

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5597460号
(P5597460)

(45) 発行日 平成26年10月1日 (2014. 10. 1)

(24) 登録日 平成26年8月15日 (2014. 8. 15)

(51) Int. Cl.	F I
G03F 7/039 (2006.01)	G03F 7/039 601
G03F 7/004 (2006.01)	G03F 7/004 503A
H01L 21/027 (2006.01)	H01L 21/30 502R
C08F 220/38 (2006.01)	C08F 220/38

請求項の数 16 (全 96 頁)

(21) 出願番号	特願2010-151013 (P2010-151013)	(73) 特許権者	000220239
(22) 出願日	平成22年7月1日 (2010. 7. 1)		東京応化工業株式会社
(65) 公開番号	特開2011-158879 (P2011-158879A)		神奈川県川崎市中原区中丸子150番地
(43) 公開日	平成23年8月18日 (2011. 8. 18)	(74) 代理人	100106909
審査請求日	平成25年4月18日 (2013. 4. 18)		弁理士 棚井 澄雄
(31) 優先権主張番号	特願2010-661 (P2010-661)	(74) 代理人	100064908
(32) 優先日	平成22年1月5日 (2010. 1. 5)		弁理士 志賀 正武
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100094400
			弁理士 鈴木 三義
		(74) 代理人	100126882
			弁理士 五十嵐 光永
		(72) 発明者	平野 智之
			神奈川県川崎市中原区中丸子150番地
			東京応化工業株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物、レジストパターン形成方法、高分子化合物

(57) 【特許請求の範囲】

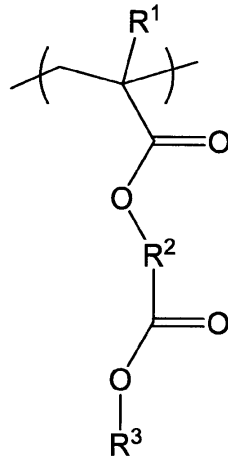
【請求項1】

酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大し、且つ、露光により酸を発生する基材成分 (A') を含有するポジ型レジスト組成物であって、

前記基材成分 (A') が、下記一般式 (a0-1) で表される構成単位 (a0-1) と、露光により酸を発生する構成単位 (a0-2) と、酸解離性溶解抑制基を含み、 α 位の炭素原子に、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合していてもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a1) とを有する樹脂成分 (A1) を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物

。

【化 1】



... (a 0 - 1)

10

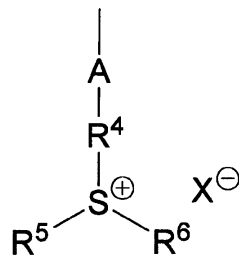
[式中、 R^1 は水素原子、炭素数 1～5 のアルキル基または炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基であり、 R^2 は 2 価の連結基であり、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。]

【請求項 2】

前記構成単位 (a 0 - 2) が、下記一般式 (a 0 - 2 - 1 0) 又は (a 0 - 2 - 2 0) で表される基を有する請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

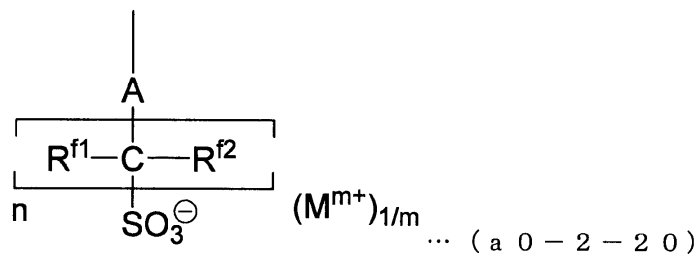
20

【化 2】



... (a 0 - 2 - 1 0)

30



... (a 0 - 2 - 2 0)

[式中、A は単結合又は 2 価の連結基であり、 R^4 は置換基を有していてもよいアリーレン基であり、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立に有機基であり、 R^5 、 R^6 は相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、 X^- は対アニオンであり、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも 1 つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、 n は 1～8 の整数であり、 M^{m+} は対カチオンであり、 m は 1～3 の整数である。]

40

【請求項 3】

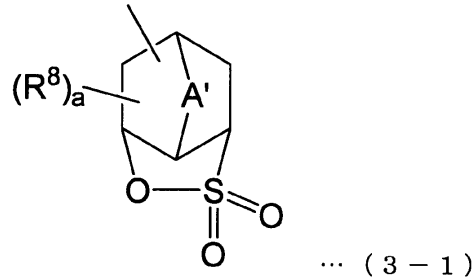
前記 R^3 が、その環骨格中に $-O-SO_2-$ を含む環式基である請求項 1 又は 2 に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 4】

前記 R^3 が、下記一般式 (3 - 1) で表される請求項 3 に記載のポジ型レジスト組成物。

。

【化 3】



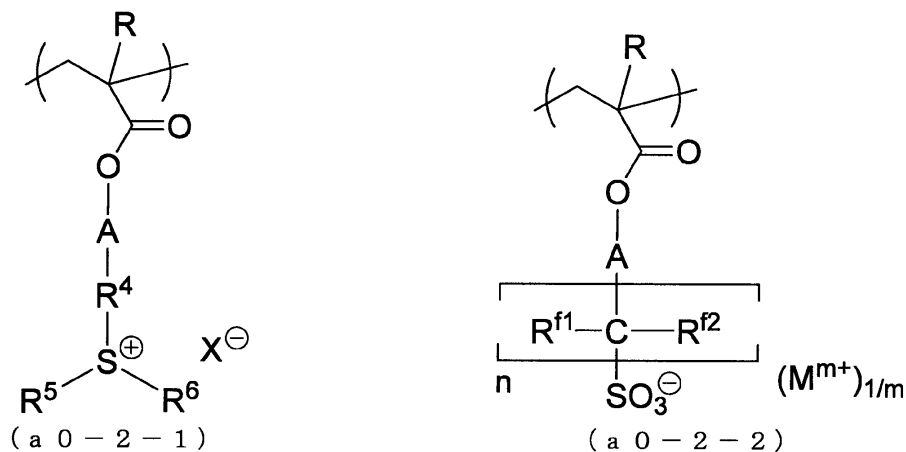
[式中、A' は酸素原子もしくは硫黄原子を含んでいてもよい炭素数 1～5 のアルキレン基、酸素原子または硫黄原子であり、a は 0～2 の整数であり、R⁸ はアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基、水酸基、—COOR^{''}、—OC(=O)R^{''}、ヒドロキシアルキル基またはシアノ基であり、R^{''} は水素原子またはアルキル基である。]

10

【請求項 5】

前記構成単位 (a 0-2) が、下記一般式 (a 0-2-1) 又は (a 0-2-2) で表される構成単位である請求項 2～4 のいずれか一項に記載のポジ型レジスト組成物。

【化 4】



20

[式中、R は水素原子、炭素数 1～5 のアルキル基、又は炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基であり、A は単結合又は 2 価の連結基であり、R⁴ は置換基を有していてもよいアリール基であり、R⁵、R⁶ はそれぞれ独立に有機基であり、R⁵、R⁶ は相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、X⁻ は対アニオンであり、R^{f1}、R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、R^{f1}、R^{f2} のうち少なくとも 1 つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、n は 1～8 の整数であり、M^{m+} は対カチオンであり、m は 1～3 の整数である。]

30

【請求項 6】

前記樹脂成分 (A 1) が、さらに、ラクトン含有環式基を含み、α 位の炭素原子に、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合していてもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 2) を有する請求項 1～5 のいずれか一項に記載のポジ型レジスト組成物。

40

【請求項 7】

前記樹脂成分 (A 1) が、さらに、極性基含有脂肪族炭化水素基又は極性基含有芳香族炭化水素基を含み、α 位の炭素原子に、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合していてもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 3) を有する請求項 1～6 のいずれか一項に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 8】

含窒素有機化合物 (D) を含有する請求項 1～7 のいずれか一項に記載のポジ型レジス

50

ト組成物。

【請求項 9】

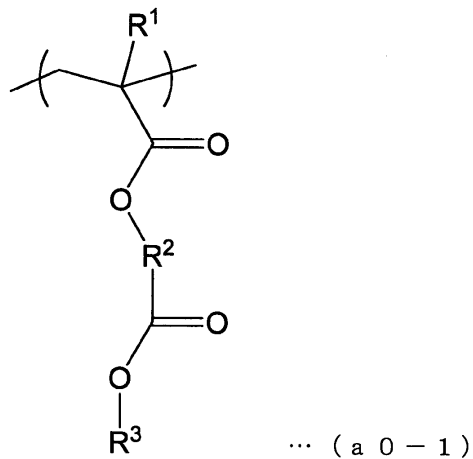
請求項 1～8 のいずれか一項に記載のポジ型レジスト組成物を用いて支持体上にレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および前記レジスト膜をアルカリ現像してレジストパターンを形成する工程を含むレジストパターン形成方法。

【請求項 10】

下記一般式 (a 0-1) で表される構成単位 (a 0-1) と、露光により酸を発生する構成単位 (a 0-2) と、酸解離性溶解抑制基を含み、α 位の炭素原子に、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基、またはヒドロシアルキル基が結合しているもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 1) とを有する高分子化合物。

10

【化 5】



20

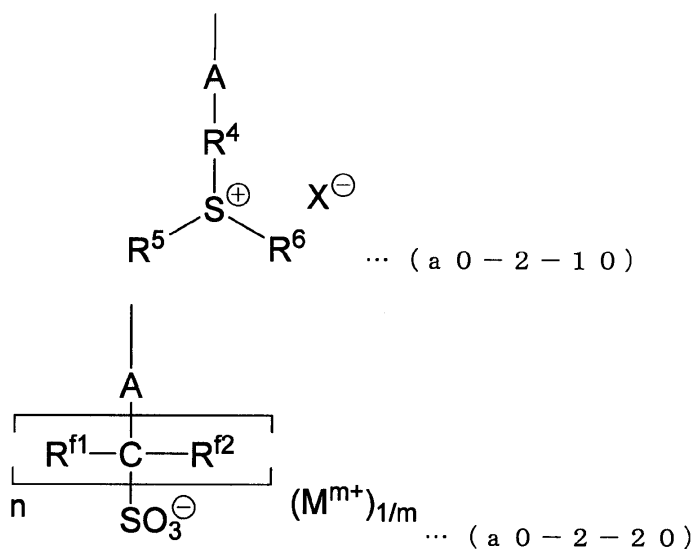
[式中、 R^1 は水素原子、炭素数 1～5 のアルキル基または炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基であり、 R^2 は 2 価の連結基であり、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。]

【請求項 11】

前記構成単位 (a 0-2) が、下記一般式 (a 0-2-10) 又は (a 0-2-20) で表される基を有する請求項 10 に記載の高分子化合物。

30

【化 6】



40

[式中、A は単結合又は 2 価の連結基であり、 R^4 は置換基を有しているもよいアリーレン基であり、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立に有機基であり、 R^5 、 R^6 は相互に結合して式

50

中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、 X^- は対アニオンであり、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも1つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、 n は1～8の整数であり、 M^{m+} は対カチオンであり、 m は1～3の整数である。]

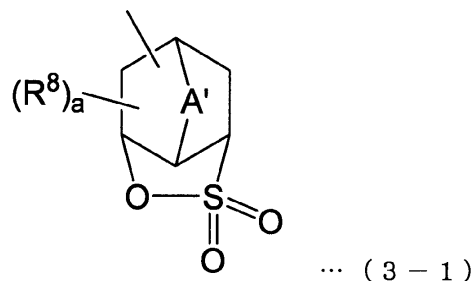
【請求項12】

前記 R^3 が、その環骨格中に $-O-SO_2-$ を含む環式基である請求項10又は11に記載の高分子化合物。

【請求項13】

前記 R^3 が、下記一般式(3-1)で表される請求項12に記載の高分子化合物。

【化7】

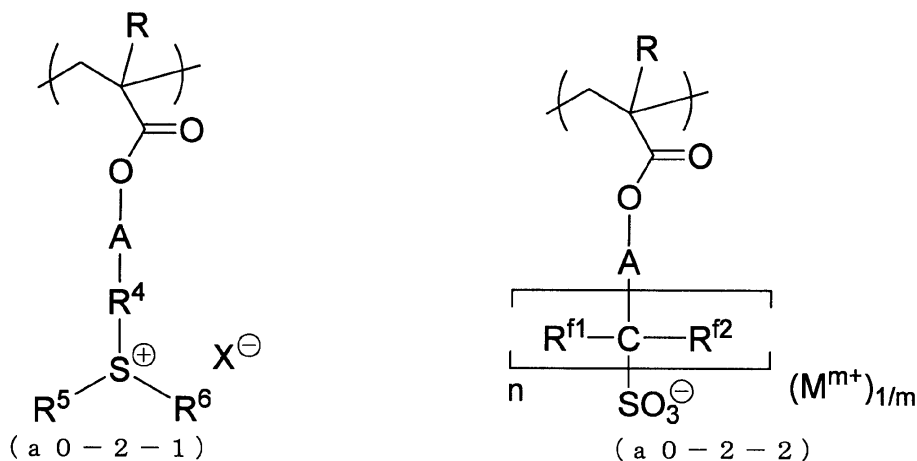


[式中、 A' は酸素原子もしくは硫黄原子を含んでいてもよい炭素数1～5のアルキレン基、酸素原子または硫黄原子であり、 a は0～2の整数であり、 R^8 はアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基、水酸基、 $-COOR''$ 、 $-OC(=O)R''$ 、ヒドロキシアルキル基またはシアノ基であり、 R'' は水素原子またはアルキル基である。]

【請求項14】

前記構成単位(a0-2)が、下記一般式(a0-2-1)又は(a0-2-2)で表される構成単位である請求項11～13のいずれか一項に記載の高分子化合物。

【化8】



[式中、 R は水素原子、炭素数1～5のアルキル基、又は炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であり、 A は単結合又は2価の連結基であり、 R^4 は置換基を有していてもよいアリーレン基であり、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立に有機基であり、 R^5 、 R^6 は相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、 X^- は対アニオンであり、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも1つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、 n は1～8の整数であり、 M^{m+} は対カチオンであり、 m は1～3の整数である。]

【請求項15】

さらに、ラクトン含有環式基を含み、 α 位の炭素原子に、炭素数1～5のアルキル基、炭素数1～5のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合していてもよ

10

20

30

40

50

いアクリル酸エステルから誘導される構成単位（a 2）を有する請求項 10～14 のいずれか一項に記載の高分子化合物。

【請求項 16】

さらに、極性基含有脂肪族炭化水素基又は極性基含有芳香族炭化水素基を含み、α 位の炭素原子に、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合しているもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位（a 3）を有する請求項 10～15 のいずれか一項に記載の高分子化合物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

10

本発明は、リソグラフィー特性が良好なポジ型レジスト組成物、該レジスト組成物を用いるレジストパターン形成方法、及びポジ型レジスト組成物用として有用な高分子化合物に関する。

【背景技術】

【0002】

リソグラフィー技術においては、例えば基板の上にレジスト材料からなるレジスト膜を形成し、該レジスト膜に対し、所定のパターンが形成されたマスクを介して、光、電子線等の放射線にて選択的露光を行い、現像処理を施すことにより、前記レジスト膜に所定形状のレジストパターンを形成する工程が行われる。

露光した部分が現像液に溶解する特性に変化するレジスト材料をポジ型、露光した部分が現像液に溶解しない特性に変化するレジスト材料をネガ型という。

20

近年、半導体素子や液晶表示素子の製造においては、リソグラフィー技術の進歩により急速にパターンの微細化が進んでいる。

微細化の手法としては、一般に、露光光源の短波長化が行われている。具体的には、従来は、g 線、i 線に代表される紫外線が用いられていたが、現在では、KrFエキシマレーザーや、ArFエキシマレーザーを用いた半導体素子の量産が開始されている。また、これらエキシマレーザーより短波長のF₂エキシマレーザー、電子線、EUV（極紫外線）やX線などについても検討が行われている。

【0003】

レジスト材料には、これらの露光光源に対する感度、微細な寸法のパターンを再現できる解像性等のリソグラフィー特性が求められる。

30

このような要求を満たすレジスト材料として、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が変化する基材成分と、露光により酸を発生する酸発生剤とを含有する化学増幅型レジスト組成物が用いられている。

例えばポジ型の化学増幅型レジスト組成物としては、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂成分（ベース樹脂）と、酸発生剤成分とを含有するものが一般的に用いられている。かかる、レジスト組成物を用いて形成されるレジスト膜は、レジストパターン形成時に選択的露光を行うと、露光部において、酸発生剤から酸が発生し、該酸の作用により樹脂成分のアルカリ現像液に対する溶解性が増大して、露光部がアルカリ現像液に対して可溶となる。

40

現在、ArFエキシマレーザーリソグラフィー等において使用されるレジストのベース樹脂としては、193nm付近における透明性に優れることから、（メタ）アクリル酸エステルから誘導される構成単位を主鎖に有する樹脂（アクリル系樹脂）などが一般的に用いられている（たとえば特許文献1参照）。ここで、「（メタ）アクリル酸」とは、α 位に水素原子が結合したアクリル酸と、α 位にメチル基が結合したメタクリル酸の一方あるいは両方を意味する。「（メタ）アクリル酸エステル」とは、α 位に水素原子が結合したアクリル酸エステルと、α 位にメチル基が結合したメタクリル酸エステルの一方あるいは両方を意味する。「（メタ）アクリレート」とは、α 位に水素原子が結合したアクリレートと、α 位にメチル基が結合したメタクリレートの一方あるいは両方を意味する。

【0004】

50

近年では、酸発生剤機能を有する構成単位を含有するベース樹脂も用いられている（例えば特許文献１～４）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００５】

【特許文献１】特開平１０－２２１８５２号公報

【特許文献２】特開２００６－０４５３１１号公報

【特許文献３】特開２００６－２１５５２６号公報

【特許文献４】特開２００９－０９１３５１号公報

【発明の概要】

10

【発明が解決しようとする課題】

【０００６】

今後、リソグラフィー技術のさらなる進歩、応用分野の拡大等が予想されるなか、リソグラフィー用途に使用できる新規な材料に対する要求がある。たとえばパターンの微細化が進むにつれ、レジスト材料にも、解像性は勿論のこと、その他、ELマージン、LWR（ラインワイズラフネス）等の種々のリソグラフィー特性の向上が求められる。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、リソグラフィー特性が良好なポジ型レジスト組成物、及び該レジスト組成物を用いるレジストパターン形成方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

20

【０００７】

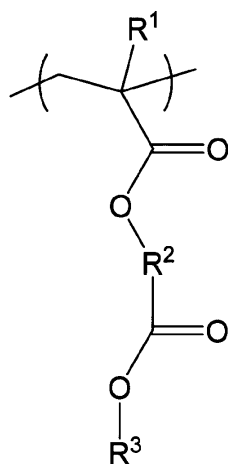
上記の課題を解決するために、本発明は以下の構成を採用した。

すなわち、本発明の第一の態様は、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大し、且つ、露光により酸を発生する基材成分（Ａ'）を含有するポジ型レジスト組成物であって、前記基材成分（Ａ'）が、下記一般式（a0-1）で表される構成単位（a0-1）と、露光により酸を発生する構成単位（a0-2）と、酸解離性溶解抑制基を含み、α位の炭素原子に、炭素数１～５のアルキル基、炭素数１～５のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合しているもよいアクリル酸エステルから誘導される構成単位（a1）とを有する樹脂成分（A1）を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物である。

30

【０００８】

【化１】



… (a0-1)

40

〔式中、 R^1 は水素原子、炭素数１～５のアルキル基または炭素数１～５のハロゲン化アルキル基であり、 R^2 は２価の連結基であり、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。〕

【０００９】

50

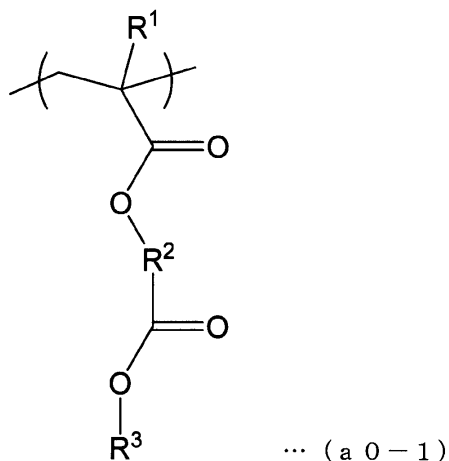
本発明の第二の態様は、前記第一の態様のレジスト組成物を用いて支持体上にレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および前記レジスト膜をアルカリ現像してレジストパターンを形成する工程を含むレジストパターン形成方法である。

本発明の第三の態様は、下記一般式（a 0－1）で表される構成単位（a 0－1）と、露光により酸を発生する構成単位（a 0－2）と、酸解離性溶解抑制基を含み、 α 位の炭素原子に、炭素数1～5のアルキル基、炭素数1～5のハロゲン化アルキル基、またはヒドロキシアルキル基が結合しているアクリル酸エステルから誘導される構成単位（a 1）とを有する高分子化合物である。

【0010】

【化2】

10



20

[式中、 R^1 は水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であり、 R^2 は2価の連結基であり、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。]

【0011】

本明細書および本特許請求の範囲において、「脂肪族」とは、芳香族に対する相対的な概念であって、芳香族性を持たない基、化合物等を意味するものと定義する。

30

「アルキル基」は、特に断りがない限り、直鎖状、分岐鎖状および環状の1価の飽和炭化水素基を包含するものとする。

「アルキレン基」は、特に断りがない限り、直鎖状、分岐鎖状および環状の2価の飽和炭化水素基を包含するものとする。アルコキシ基中のアルキル基も同様である。

「ハロゲン化アルキル基」は、アルキル基の水素原子の一部又は全部がハロゲン原子で置換された基であり、該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。

「フッ素化アルキル基」又は「フッ素化アルキレン基」は、アルキル基又はアルキレン基の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換された基をいう。

「構成単位」とは、高分子化合物（樹脂、重合体、共重合体）を構成するモノマー単位（単量体単位）を意味する。

40

「アクリル酸エステルから誘導される構成単位」とは、アクリル酸エステルのエチレン性二重結合が開裂して構成される構成単位を意味する。

「アクリル酸エステル」は、 α 位の炭素原子に水素原子が結合しているアクリル酸エステルのほか、 α 位の炭素原子に置換基（水素原子以外の原子または基）が結合しているものも含む概念とする。該 α 位の炭素原子に結合する置換基としては、炭素数1～5のアルキル基、炭素数1～5のハロゲン化アルキル基、ヒドロキシアルキル基等が挙げられる。なお、アクリル酸エステルの α 位の炭素原子とは、特に断りがない限り、カルボニル基が結合している炭素原子のことである。

アクリル酸エステルにおいて、 α 位の置換基としての炭素数1～5のアルキル基として

50

、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基などの炭素数1～5の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が挙げられる。

また、炭素数1～5のハロゲン化アルキル基として、具体的には、上記「 α 位の置換基としての炭素数1～5のアルキル基」の水素原子の一部または全部がハロゲン原子で置換された基が挙げられる。該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、特にフッ素原子が好ましい。

本発明において、アクリル酸エステルの α 位に結合しているのは、水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であることが好ましく、水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のフッ素化アルキル基であることがより好ましく、工業上の入手の容易さから、水素原子またはメチル基であることが最も好ましい。

「露光」は、放射線の照射全般を含む概念とする。

「アルカリ現像液に対して分解性を示す」とは、アルカリ現像液の作用により分解し（好ましくは、23℃において、2.38質量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）水溶液の作用で分解し）、アルカリ現像液に対する溶解性が増大することを意味する。

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、リソグラフィ特性に優れたポジ型レジスト組成物及びレジストパターン形成方法、並びに、該ポジ型レジスト組成物用として有用な高分子化合物を提供できる。

【発明を実施するための形態】

【0013】

《ポジ型レジスト組成物》

本発明のポジ型レジスト組成物は、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大し、且つ、露光により酸を発生する基材成分（A'）を含有する。

かかるポジ型レジスト組成物においては、放射線が照射（露光）されると、（A'）成分から酸が発生し、該酸の作用により（A'）成分のアルカリ現像液に対する溶解性が増大する。そのため、レジストパターンの形成において、当該ポジ型レジスト組成物を用いて得られるレジスト膜に対して選択的露光を行うと、当該レジスト膜の、露光部のアルカリ現像液に対する可溶性が増大する一方で、未露光部のアルカリ現像液に対する溶解性は変化しないため、アルカリ現像を行うことにより、レジストパターンを形成することができる。

ここで、「基材成分」とは、膜形成能を有する有機化合物を意味する。

基材成分としては、通常、分子量が500以上の有機化合物が用いられる。分子量が500以上であることにより、十分な膜形成能を備えるとともに、ナノレベルのレジストパターンを形成しやすい。

「分子量が500以上の有機化合物」は、非重合体と重合体とに大別される。

非重合体としては、通常、分子量が500以上4000未満のものが用いられる。以下、「低分子化合物」という場合は、分子量が500以上4000未満の非重合体を示す。

重合体としては、通常、分子量が1000以上のものが用いられる。本明細書および特許請求の範囲において「高分子化合物」は分子量が1000以上の重合体を示す。

高分子化合物の場合、「分子量」はGPC（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）によるポリスチレン換算の質量平均分子量を用いるものとする。

【0014】

<（A'）成分>

〔樹脂成分（A1）〕

樹脂成分（A1）（以下、「（A1）成分」又は「高分子化合物（A1）」ということがある。）は、前記一般式（a0-1）で表される構成単位（a0-1）と、露光により

10

20

30

40

50

酸を発生する構成単位 (a 0-2) と、酸解離性溶解抑制基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 1) と、を有する。

(A 1) 成分は、構成単位 (a 0-1)、(a 0-2) 及び (a 1) に加えて、さらに、ラクトン含有環式基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 2) を有していてもよい。

(A 1) 成分は、構成単位 (a 0-1)、(a 0-2) 及び (a 1) に加えて、又は構成単位 (a 0-1)、(a 0-2)、(a 1) 及び (a 2) に加えて、さらに、極性基含有脂肪族炭化水素基又は極性基含有芳香族炭化水素基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位 (a 3) を有していてもよい。

【0015】

10

(構成単位 (a 0-1))

構成単位 (a 0-1) は、上記一般式 (a 0-1) で表される構成単位である。

式 (a 0-1) 中、 R^1 は水素原子、炭素数 1~5 のアルキル基または炭素数 1~5 のハロゲン化アルキル基である。

R^1 のアルキル基は、炭素数 1~5 の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基等が挙げられる。

R^1 の炭素数 1~5 のハロゲン化アルキル基は、前記炭素数 1~5 のアルキル基の水素原子の一部または全部がハロゲン原子で置換された基である。該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、特にフッ素原子が好ましい。

20

R^1 としては、水素原子、炭素数 1~5 のアルキル基または炭素数 1~5 のフッ素化アルキル基が好ましく、工業上の入手の容易さから、水素原子またはメチル基が最も好ましい。

【0016】

式 (a 0-1) 中、 R^2 は 2 価の連結基である。

R^2 としては、置換基を有していてもよい 2 価の炭化水素基、ヘテロ原子を含む 2 価の連結基等が好適なものとして挙げられる。

該炭化水素基が「置換基を有する」とは、該炭化水素基における水素原子の一部または全部が、水素原子以外の基または原子で置換されていることを意味する。

30

該炭化水素基は、脂肪族炭化水素基であってもよく、芳香族炭化水素基であってもよい。脂肪族炭化水素基は、芳香族性を持たない炭化水素基を意味する。

該脂肪族炭化水素基は、飽和であってもよく、不飽和であってもよく、通常は飽和であることが好ましい。

【0017】

前記脂肪族炭化水素基として、より具体的には、直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基、構造中に環を含む脂肪族炭化水素基等が挙げられる。

直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基は、炭素数が 1~10 であることが好ましく、1~8 がより好ましく、1~5 がさらに好ましく、1~2 が最も好ましい。

40

直鎖状の脂肪族炭化水素基としては、直鎖状のアルキレン基が好ましく、具体的には、メチレン基 $[-CH_2-]$ 、エチレン基 $[-(CH_2)_2-]$ 、トリメチレン基 $[-(CH_2)_3-]$ 、テトラメチレン基 $[-(CH_2)_4-]$ 、ペンタメチレン基 $[-(CH_2)_5-]$ 等が挙げられる。

分岐鎖状の脂肪族炭化水素基としては、分岐鎖状のアルキレン基が好ましく、具体的には、 $-CH(CH_3)-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)_2-$ 、 $-C(CH_3)(CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)(CH_2CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_2CH_3)_2-$ 等のアルキルメチレン基； $-CH(CH_3)CH_2-$ 、 $-CH(CH_3)CH(CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)_2CH_2-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)CH_2-$ 、 $-C(CH_2CH_3)_2-CH_2-$ 等のアルキルエチレン基； $-CH(CH_3)CH_2CH_2-$ 、

50

—CH₂CH(CH₃)CH₂—等のアルキルトリメチレン基；—CH(CH₃)CH₂CH₂CH₂—、—CH₂CH(CH₃)CH₂CH₂—等のアルキルテトラメチレン基などのアルキルアルキレン基等が挙げられる。アルキルアルキレン基におけるアルキル基としては、炭素数1～5の直鎖状のアルキル基が好ましい。

鎖状の脂肪族炭化水素基は、置換基を有していてもよく、有していなくてもよい。該置換基としては、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数1～5のフッ素化アルキル基、酸素原子(=O)等が挙げられる。

【0018】

構造中に環を含む脂肪族炭化水素基としては、環状の脂肪族炭化水素基（脂肪族炭化水素環から水素原子を2個除いた基）、該環状の脂肪族炭化水素基が前述した鎖状の脂肪族炭化水素基の末端に結合するか又は鎖状の脂肪族炭化水素基の途中に介在する基などが挙げられる。

環状の脂肪族炭化水素基は、炭素数が3～20であることが好ましく、3～12であることがより好ましい。

環状の脂肪族炭化水素基は、多環式基であってもよく、単環式基であってもよい。単環式基としては、炭素数3～6のモノシクロアルカンから2個の水素原子を除いた基が好ましく、該モノシクロアルカンとしてはシクロペンタン、シクロヘキサン等が例示できる。多環式基としては、炭素数7～12のポリシクロアルカンから2個の水素原子を除いた基が好ましく、該ポリシクロアルカンとして具体的には、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン等が挙げられる。

環状の脂肪族炭化水素基は、置換基を有していてもよいし、有していなくてもよい。置換基としては、炭素数1～5のアルキル基、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数1～5のフッ素化アルキル基、酸素原子(=O)等が挙げられる。

【0019】

前記芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、ビフェニル(biphenyl)基、フルオレニル(fluorenyl)基、ナフチル基、アントリル(anthryl)基、フェナントリル基等の、1価の芳香族炭化水素基の芳香族炭化水素の核から水素原子をさらに1つ除いた2価の芳香族炭化水素基；

当該2価の芳香族炭化水素基の環を構成する炭素原子の一部が酸素原子、硫黄原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換された芳香族炭化水素基；

ベンジル基、フェネチル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、1-ナフチルエチル基、2-ナフチルエチル基等のアリールアルキル基等で、かつ、その芳香族炭化水素の核から水素原子をさらに1つ除いた芳香族炭化水素基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基は、置換基を有していてもよいし、有していなくてもよい。置換基としては、炭素数1～5のアルキル基、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数1～5のフッ素化アルキル基、酸素原子(=O)等が挙げられる。

【0020】

「ヘテロ原子を含む2価の連結基」におけるヘテロ原子とは、炭素原子および水素原子以外原子であり、たとえば酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子等が挙げられる。

ヘテロ原子を含む2価の連結基として、具体的には、—O—、—C(=O)—、—C(=O)—O—、カーボネート結合(—O—C(=O)—O—)、—NH—、—NR⁰⁴(R⁰⁴はアルキル基)—、—NH—C(=O)—、=N—等が挙げられる。また、これらの「ヘテロ原子を含む2価の連結基」と2価の炭化水素基との組み合わせ等が挙げられる。2価の炭化水素基としては、上述した置換基を有していてもよい炭化水素基と同様のものが挙げられ、直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基が好ましい。

【0021】

R²は、その構造中に酸解離性部位を有していてもよいし、有していなくてもよい。「酸解離性部位」とは、当該有機基内における、露光により発生する酸が作用して解離する部位をいう。R²が酸解離性部位を有する場合、好ましくは第三級炭素原子を有する酸解

10

20

30

40

50

離性部位を有することが好ましい。

【0022】

本発明において、 R^2 の2価の連結基としては、アルキレン基、2価の脂肪族環式基またはヘテロ原子を含む2価の連結基が好ましい。これらの中でも、アルキレン基が特に好ましい。

R^2 がアルキレン基である場合、該アルキレン基は、炭素数1～10であることが好ましく、炭素数1～6であることがさらに好ましく、炭素数1～4であることが特に好ましく、炭素数1～3であることが最も好ましい。具体的には、前記で挙げた直鎖状のアルキレン基、分岐鎖状のアルキレン基と同様のものが挙げられる。

R^2 が2価の脂肪族環式基である場合、該脂肪族環式基としては、前記「構造中に環を含む脂肪族炭化水素基」で挙げた環状の脂肪族炭化水素基と同様のものが挙げられる。

該脂肪族環式基としては、シクロペンタン、シクロヘキサン、ノルボルナン、イソボルナン、アダマンタン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンから水素原子が二個以上除かれた基であることが特に好ましい。

【0023】

R^2 がヘテロ原子を含む2価の連結基である場合、該連結基として好ましいものとして、 $-O-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-O-C(=O)-O-$ 、 $-C(=O)-NH-$ 、 $-NH-$ (Hはアルキル基、アシル基等の置換基で置換されていてもよい)、 $-S-$ 、 $-S(=O)_2-$ 、 $-S(=O)_2-O-$ 、式 $-A-O-B-$ で表される基、式 $-[A-C(=O)-O]_m-B-$ で表される基等が挙げられる。ここで、AおよびBはそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基であり、mは0～3の整数である。

R^2 が $-NH-$ の場合、そのHはアルキル基、アシル基等の置換基で置換されていてもよい。該置換基(アルキル基、アシル基等)は、炭素数が1～10であることが好ましく、1～8であることがさらに好ましく、1～5であることが特に好ましい。

$-A-O-B-$ または $-[A-C(=O)-O]_m-B-$ において、AおよびBは、それぞれ独立して、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基である。

AおよびBにおける置換基を有していてもよい2価の炭化水素基としては、前記で R^2 における「置換基を有していてもよい2価の炭化水素基」として挙げたものと同様のものが挙げられる。

Aとしては、直鎖状の脂肪族炭化水素基が好ましく、直鎖状のアルキレン基がより好ましく、炭素数1～5の直鎖状のアルキレン基がさらに好ましく、メチレン基またはエチレン基が特に好ましい。

Bとしては、直鎖状または分岐鎖状の脂肪族炭化水素基が好ましく、メチレン基、エチレン基またはアルキルメチレン基がより好ましい。該アルキルメチレン基におけるアルキル基は、炭素数1～5の直鎖状のアルキル基が好ましく、炭素数1～3の直鎖状のアルキル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。

また、式 $-[A-C(=O)-O]_m-B-$ で表される基において、mは0～3の整数であり、0～2の整数であることが好ましく、0または1がより好ましく、1が最も好ましい。

【0024】

式(a0-1)中、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。具体的には、 R^3 は、 $-SO_2-$ における硫黄原子(S)が環式基の環骨格の一部を形成する環式基である。

R^3 における環式基とは、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環を含有する環式基を示し、該環をひとつの目の環として数え、該環のみの場合は単環式基、さらに他の環構造を有する場合は、その構造に関わらず多環式基と称する。 R^3 における環式基は、単環式基であってもよく、多環式基であってもよい。

R^3 は、特に、その環骨格中に $-O-SO_2-$ を含む環式基、すなわち、 $-O-SO_2-$ 中の $-O-S-$ が環骨格の一部を形成するスルトン(sultone)環、を有すること

10

20

30

40

50

が好ましい。

R^3 における環式基は、炭素数が 3～30 であることが好ましく、4～20 であることが好ましく、4～15 であることがより好ましく、4～12 であることが特に好ましい。ただし、該炭素数は環骨格を構成する炭素原子の数であり、置換基における炭素数を含まないものとする。

R^3 における環式基は、脂肪族環式基であってもよく、芳香族環式基であってもよい。好ましくは脂肪族環式基である。

R^3 における脂肪族環式基としては、前記において挙げた環状の脂肪族炭化水素基の環骨格を構成する炭素原子の一部が $-SO_2-$ または $-O-SO_2-$ で置換されたものが挙げられる。

10

より具体的には、たとえば、前記単環式基としては、その環骨格を構成する $-CH_2-$ が $-SO_2-$ で置換されたモノシクロアルカンから水素原子 1 つを除いた基、その環を構成する $-CH_2-CH_2-$ が $-O-SO_2-$ で置換されたモノシクロアルカンから水素原子 1 つを除いた基等が挙げられる。また、前記多環式基としては、その環骨格を構成する $-CH_2-$ が $-SO_2-$ で置換されたポリシクロアルカン（ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカン等）から水素原子 1 つを除いた基、その環を構成する $-CH_2-CH_2-$ が $-O-SO_2-$ で置換されたポリシクロアルカンから水素原子 1 つを除いた基等が挙げられる。

【0025】

R^3 における環式基は、置換基を有していてもよい。該置換基としては、たとえばアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、酸素原子（ $=O$ ）、 $-COOR''$ 、 $-OC(=O)R''$ 、ヒドロキシアルキル基、シアノ基等が挙げられる。

20

該置換基としてのアルキル基としては、炭素数 1～6 のアルキル基が好ましい。該アルキル基は、直鎖状または分岐鎖状であることが好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。これらの中でも、メチル基またはエチル基が好ましく、メチル基が特に好ましい。

該置換基としてのアルコキシ基としては、炭素数 1～6 のアルコキシ基が好ましい。該アルコキシ基は、直鎖状または分岐鎖状であることが好ましい。具体的には、前記置換基としてのアルキル基として挙げたアルキル基に酸素原子（ $-O-$ ）に結合した基が挙げられる。

30

該置換基としてのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。

該置換基のハロゲン化アルキル基としては、前記アルキル基の水素原子の一部または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。

該置換基としてのハロゲン化アルキル基としては、前記置換基としてのアルキル基として挙げたアルキル基の水素原子の一部または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。該ハロゲン化アルキル基としてはフッ素化アルキル基が好ましく、特にパーフルオロアルキル基が好ましい。

40

前記 $-COOR''$ 、 $-OC(=O)R''$ における R'' は、いずれも、水素原子または炭素数 1～15 の直鎖状、分岐鎖状もしくは環状のアルキル基である。

R'' が直鎖状もしくは分岐鎖状のアルキル基の場合は、炭素数 1～10 であることが好ましく、炭素数 1～5 であることがさらに好ましく、メチル基またはエチル基であることが特に好ましい。

R'' が環状のアルキル基の場合は、炭素数 3～15 であることが好ましく、炭素数 4～12 であることがさらに好ましく、炭素数 5～10 が最も好ましい。具体的には、フッ素原子またはフッ素化アルキル基で置換されていてもよいし、されていなくてもよいモノシクロアルカン、ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから 1 個以上の水素原子を除いた基などを例示できる。より具体的には

50

、シクロペンタン、シクロヘキサン等のモノシクロアルカンや、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。

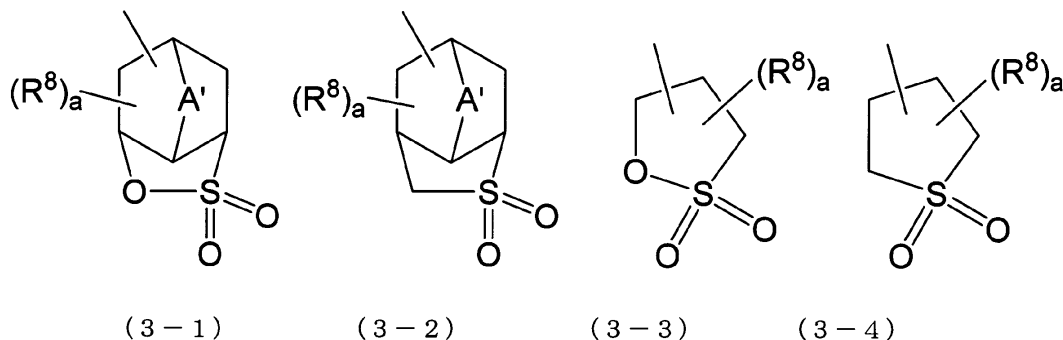
該置換基としてのヒドロキシアルキル基としては、炭素数が1～6であるものが好ましく、具体的には、前記置換基としてのアルキル基として挙げたアルキル基の水素原子の少なくとも1つが水酸基で置換された基が挙げられる。

R^3 として、より具体的には、下記一般式(3-1)～(3-4)で表される基が挙げられる。

【0026】

【化3】

10



20

[式中、 A' は酸素原子もしくは硫黄原子を含んでいてもよい炭素数1～5のアルキレン基、酸素原子または硫黄原子であり、 a は0～2の整数であり、 R^8 はアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基、水酸基、 $-COOR$ 、 $-OC(=O)R$ 、ヒドロキシアルキル基またはシアノ基であり、 R は水素原子またはアルキル基である。]

【0027】

前記一般式(3-1)～(3-4)中、 A' は、酸素原子($-O-$)もしくは硫黄原子($-S-$)を含んでいてもよい炭素数1～5のアルキレン基、酸素原子または硫黄原子である。

A' における炭素数1～5のアルキレン基としては、直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基が好ましく、メチレン基、エチレン基、 n -プロピレン基、イソプロピレン基等が挙げられる。

30

該アルキレン基が酸素原子または硫黄原子を含む場合、その具体例としては、前記アルキレン基の末端または炭素原子間に $-O-$ または $-S-$ が介在する基が挙げられ、たとえば $-O-CH_2-$ 、 $-CH_2-O-CH_2-$ 、 $-S-CH_2-$ 、 $-CH_2-S-CH_2-$ 等が挙げられる。

A' としては、炭素数1～5のアルキレン基または $-O-$ が好ましく、炭素数1～5のアルキレン基がより好ましく、メチレン基が最も好ましい。

a は0～2のいずれであってもよく、0が最も好ましい。

a が2である場合、複数の R^8 はそれぞれ同じであってもよく、異なってもよい。

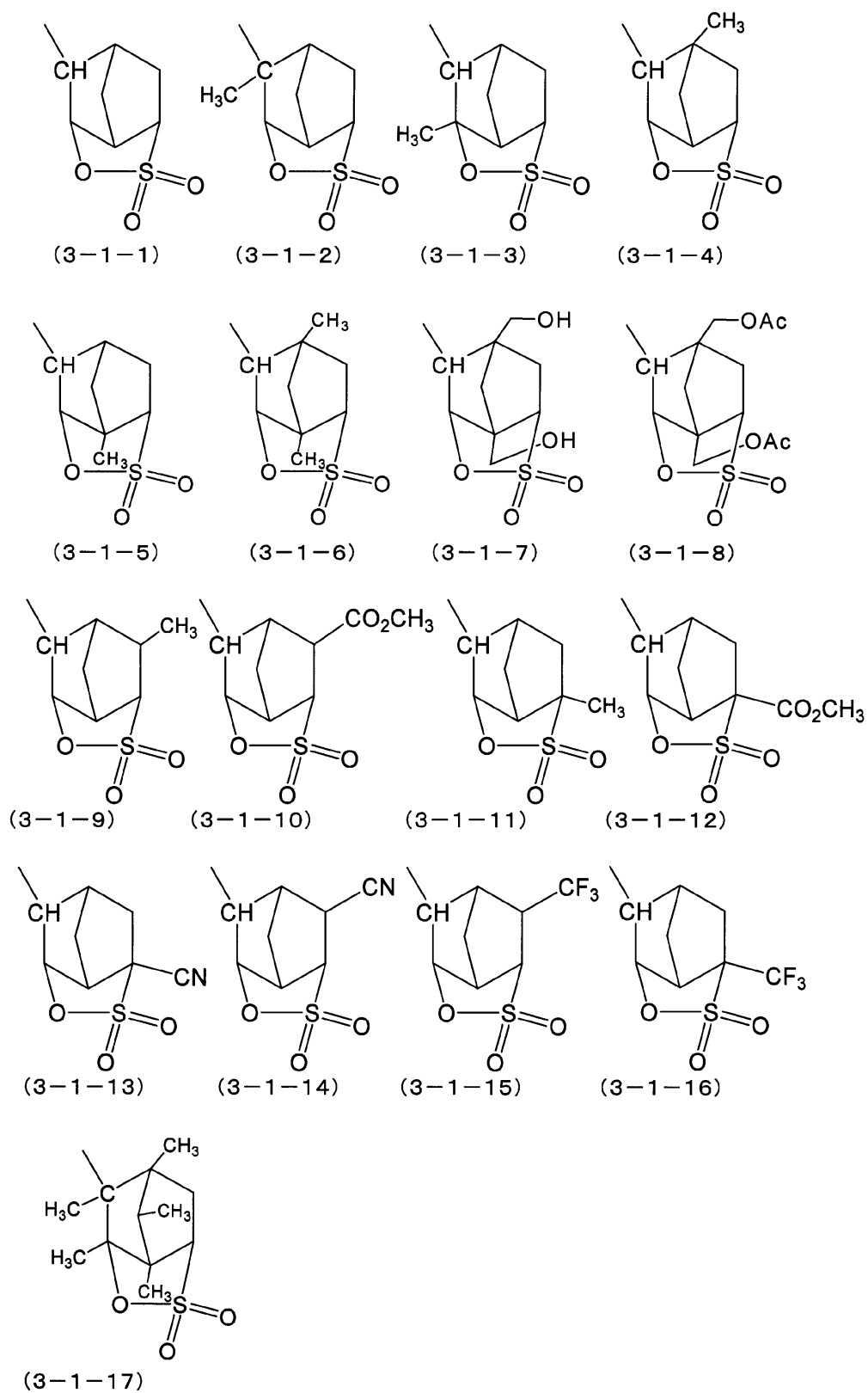
40

R^8 におけるアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基、 $-COOR$ 、 $-OC(=O)R$ 、ヒドロキシアルキル基としては、それぞれ、前記 R^3 における環式基が有していてもよい置換基として挙げたアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基、 $-COOR$ 、 $-OC(=O)R$ 、ヒドロキシアルキル基と同様のものが挙げられる。

以下に、前記一般式(3-1)～(3-4)で表される具体的な環式基を例示する。なお、式中の「Ac」はアセチル基を示す。

【0028】

【化 4】



10

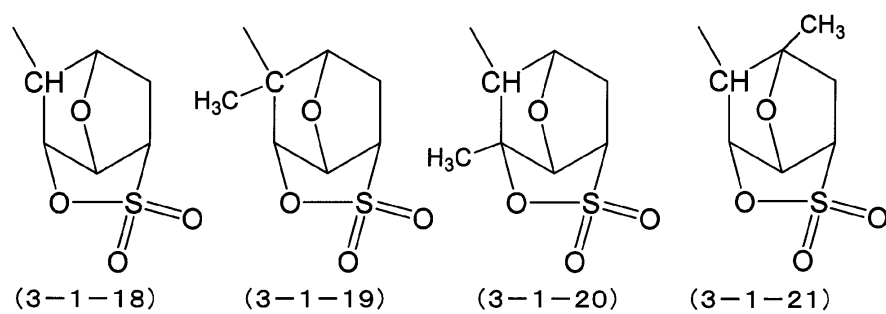
20

30

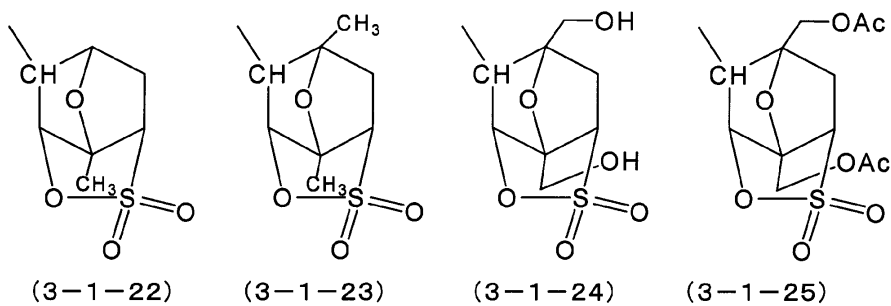
40

【 0 0 2 9 】

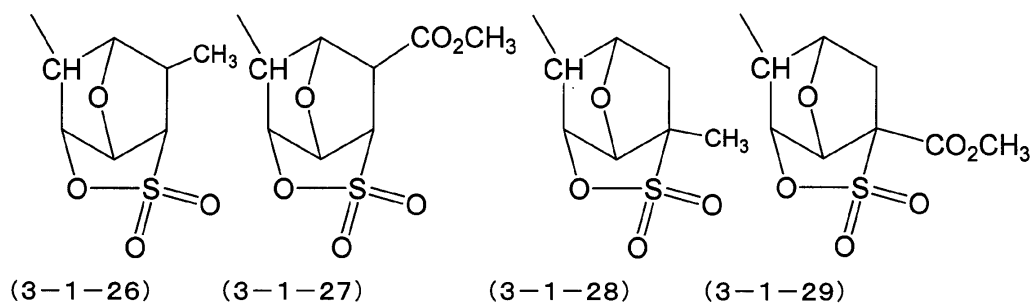
【化 5】



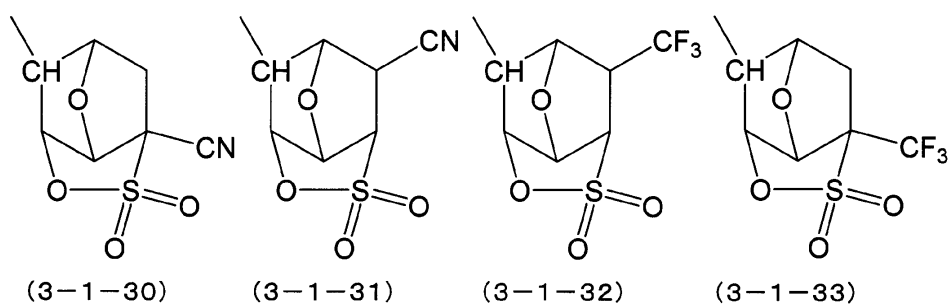
10



20



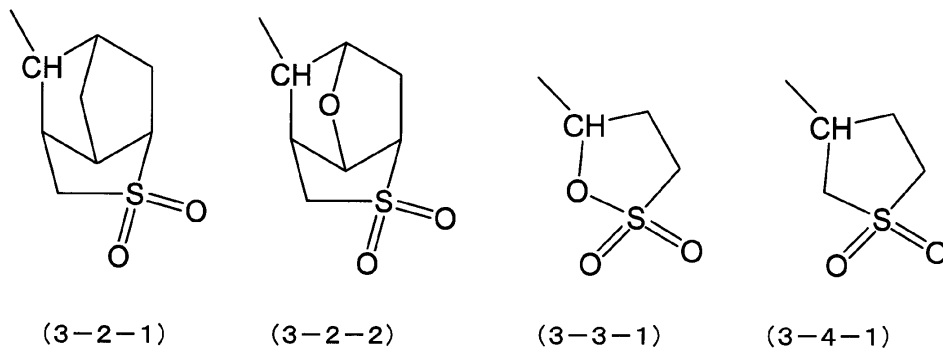
30



【 0 0 3 0 】

40

【化 6】



10

【0031】

R^3 としては、上記の中でも、前記一般式(3-1)、(3-3)、または(3-4)で表される基が好ましく、前記一般式(3-1)で表される基が特に好ましい。

R^3 として具体的には、前記化学式(3-1-1)、(3-1-18)、(3-3-1)および(3-4-1)のいずれかで表される基からなる群から選択される少なくとも一種を用いることがより好ましく、前記化学式(3-1-1)で表される基が最も好ましい。

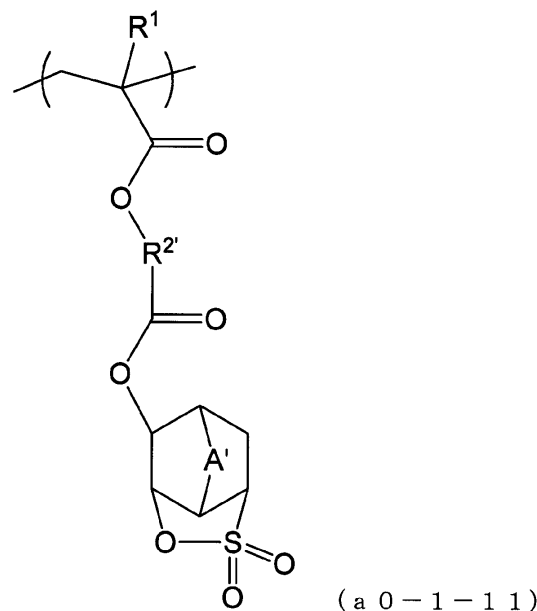
20

【0032】

本発明において、構成単位(a0-1)としては、下記一般式(a0-1-11)で表される構成単位が特に好ましい。

【0033】

【化 7】



30

40

[式中、 R^1 は前記と同じであり、 $R^{2'}$ は直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基であり、 A' は前記と同じである。]

【0034】

$R^{2'}$ における直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基は、炭素数が1~10であることが好ましく、1~8がより好ましく、1~5がさらに好ましく、1~3が特に好ましく、1~2が最も好ましい。

50

A' はメチレン基、酸素原子 (—O—) または硫黄原子 (—S—) であることが好ましい。

【0035】

構成単位 (a0-1) は、1 種を単独で用いてもよく、2 種以上を組み合わせて用いてもよい。

(A1) 成分中の構成単位 (a0-1) の割合は、当該 (A1) 成分を含有するポジ型レジスト組成物を用いてレジストパターンを形成する際の、MEF、形成されるレジストパターンの形状 (例えばラインパターンであれば矩形性、ホールパターンであれば真円性等)、CDU (面内均一性)、LWR (ラインワイズラフネス) 等に優れることから、(A1) 成分を構成する全構成単位に対し、1~60 モル%であることが好ましく、5~55 モル%がより好ましく、10~50 モル%がさらに好ましい。

10

【0036】

(構成単位 (a0-2))

構成単位 (a0-2) は、露光により酸を発生する構成単位である。

構成単位 (a0-2) としては、露光により酸を発生するものであれば特に限定されず、例えば、構成単位 (a0-1)、(a1) と共重合可能な構成単位に、従来化学増幅型レジスト用の酸発生剤として提案されているものを導入したものをを用いることができる。

構成単位 (a0-1)、(a1) と共重合可能な構成単位としては、(メタ) アクリル酸エステルから誘導される構成単位、ヒドロキシスチレンから誘導される構成単位等が好適なものとして挙げられる。

20

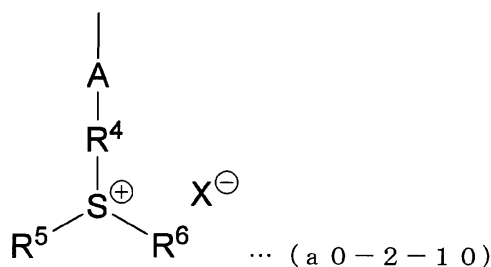
従来化学増幅型レジスト用の酸発生剤として提案されているものとしては、後述する (B) 成分が好適なものとして挙げられる。

【0037】

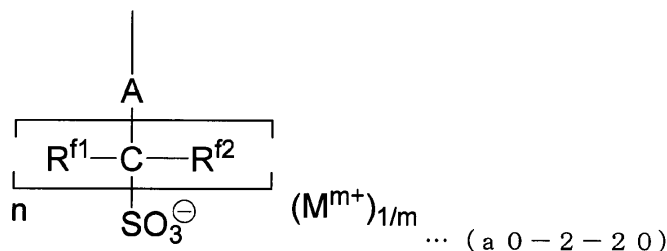
なかでも、本発明の構成単位 (a0-2) は、下記一般式 (a0-2-10) 又は (a0-2-20) で表される基を有することが好ましい。

【0038】

【化8】



30



40

[式中、Aは単結合又は2価の連結基であり、 R^4 は置換基を有していてもよいアリーレン基であり、 R^5 、 R^6 はそれぞれ独立に有機基であり、 R^5 、 R^6 は相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、 X^- は対アニオンであり、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも1つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、nは1~8の整数であり、 M^{m+} は対カチオンであり、mは1~3の整数である。]

50

【0039】

式(a0-2-10)、(a0-2-20)中、Aは単結合又は2価の連結基である。Aの2価の連結基としては、前記式(a0-1)中のR²の2価の連結基と同様のものが挙げられる。本発明においてAとしては、単結合、又はエステル結合[—C(=O)—O—]、エーテル結合(—O—)、アルキレン基若しくはこれらの組合せであることが好ましい。

【0040】

式(a0-2-10)中、R⁴は、置換基を有していてもよいアリーレン基である。置換基は1つでもよいし、複数であっても良い、

R⁴のアリーレン基としては、特に制限はなく、例えば、炭素数6～20のアリーレン基であって、該アリーレン基は、その水素原子の一部または全部が、置換されていてもよい。たとえば、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基等で置換されていてもよく、されていなくてもよい。

このようなアリーレン基としては、安価に合成可能なことから、炭素数6～10のアリーレン基が好ましい。具体的には、たとえばフェニレン基、ナフチレン基が挙げられ、フェニレン基が特に好ましい。

前記アリーレン基の水素原子が置換されていてもよいアルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基であることがより好ましく、メチル基が特に好ましい。

前記アリーレン基の水素原子が置換されていてもよいアルコキシ基としては、炭素数1～5のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、isopropoxy基、n-ブトキシ基、tert-ブトキシ基であることがより好ましい。

前記アリーレン基の水素原子が置換されていてもよいハロゲン原子としては、フッ素原子であることが好ましい。

【0041】

式(a0-2-10)中、R⁵、R⁶は、それぞれ独立に有機基である。

R⁵、R⁶の有機基は、炭素原子を含む基であり、炭素原子以外の原子(たとえば水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子等)等)を有していてもよい。

R⁵、R⁶の有機基としては、アリール基またはアルキル基が好ましい。

【0042】

R⁵、R⁶のアリール基としては、特に制限はなく、例えば、炭素数6～20のアリール基であって、該アリール基は、その水素原子の一部または全部が、置換されていてもよい。たとえば、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基等で置換されていてもよく、されていなくてもよい。

このようなアリール基としては、安価に合成可能なことから、炭素数6～10のアリール基が好ましい。具体的には、たとえばフェニル基、ナフチル基が挙げられ、フェニル基が特に好ましい。

前記アリール基の水素原子が置換されていてもよいアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子としては、前記R⁴のアリーレン基が置換されていてもよいアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子と同様のものが挙げられる。

【0043】

R⁵、R⁶のアルキル基としては、特に制限はなく、例えば炭素数1～10の直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基等が挙げられる。解像性に優れる点から、炭素数1～5であることが好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、isopropyl基、n-ブチル基、isobutyl基、n-pentyl基、cyclopentyl基、hexyl基、cyclohexyl基、nonyl基、decyl基等が挙げられる。なかでも、より解像性に優れ、また安価に合成可能なことから好ましいものとして、メチル基を挙げることができる。

【0044】

式(a0-2-10)中、R⁵、R⁶は、相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を

10

20

30

40

50

形成していてもよい。

かかる場合、イオウ原子を含めて3～10員環を形成していることが好ましく、5～7員環を形成していることが特に好ましい。

当該イオウ原子と共に形成される環構造には、硫黄原子、酸素原子（ $-O-$ 、 $=O$ ）等のヘテロ原子が含まれていてもよい。

形成される環の具体例としては、たとえばベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環、フルオレン環、トリフェニレン環、ナフタセン環、ビフェニル環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、イミダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、インドリジン環、インドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イソベンゾフラン環、キノリジン環、キノリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、キノキサリン環、キノキサゾリン環、イソキノリン環、カルバゾール環、フェナントリジン環、アクリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、クロメン環、キサnten環、フェノキサチン環、フェノチアジン環、フェナジン環等が挙げられる。

10

【0045】

式（a0-2-10）中、 X^- は対アニオンである。

X^- の対アニオンとしては、特に限定されるものではなく、後述する（B）成分中の、一般式（b-1）または（b-2）で表されるオニウム塩系酸発生剤のアニオン部（ R^4 SO_3^- ）；後述する（B）成分中の、一般式（b-3）又は（b-4）で表されるアニオン等が挙げられ、特に R^4 SO_3^- であることが好ましく、炭素数1～8のフッ素化アルキルスルホン酸イオン（好ましくは炭素数1～4）または後述する一般式（b1）～（b8）から選択される少なくとも1種であることが好ましい。

20

【0046】

式（a0-2-20）中、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも1つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基である。

R^{f1} 、 R^{f2} のアルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基等が挙げられる。

R^{f1} 、 R^{f2} のフッ素化アルキル基としては、上記 R^{f1} 、 R^{f2} のアルキル基の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換された基が好ましい。

30

本発明において R^{f1} 、 R^{f2} としては、フッ素原子であることが好ましい。

【0047】

式（a0-2-20）中、*n*は1～8の整数であり、1～4の整数であることが好ましく、1又は2であることがさらに好ましい。

【0048】

式（a0-2-20）中、 M^{m+} は対カチオンであり、*m*は1～3の整数である。

M^{m+} の対カチオンとしては、金属カチオン又はオニウムカチオンが挙げられる。

M^{m+} の金属イオンとしては、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属イオン、マグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属イオン、鉄イオン、アルミニウムイオン等が挙げられる。なかでも、スルホネートへのイオン交換が容易であるため、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオンが好ましい。

40

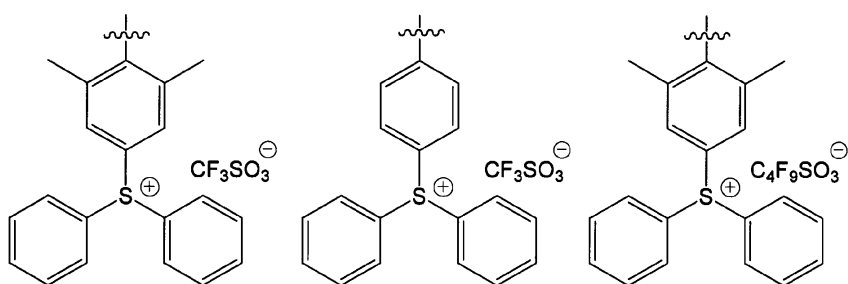
M^{m+} のオニウムカチオンとしては、スルホニウムカチオン、ヨードニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、ジアゾニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ピリジニウムカチオン等が挙げられる。なかでも、後述する（B）成分中の一般式（b-1）又は（b-2）で表されるオニウム塩系酸発生剤のカチオン部と同様のものが好ましい。

【0049】

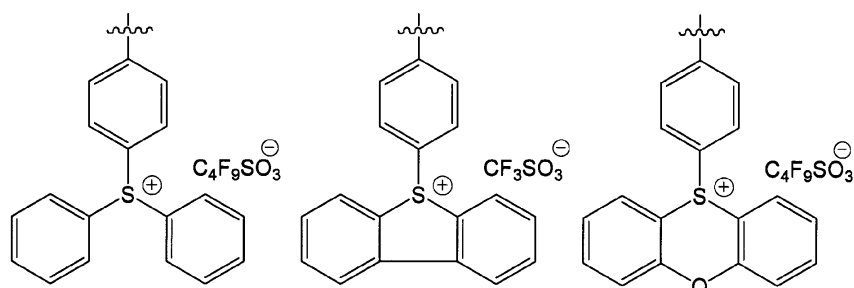
以下に、式（a0-2-10）又は（a0-2-20）で表される基の具体例を示す。

【0050】

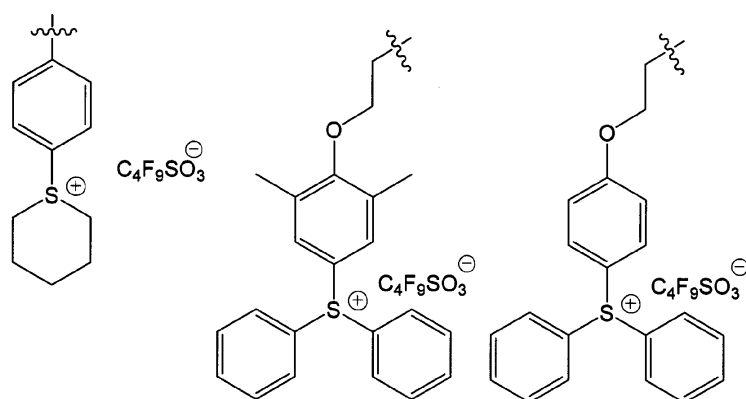
【化 9】



10



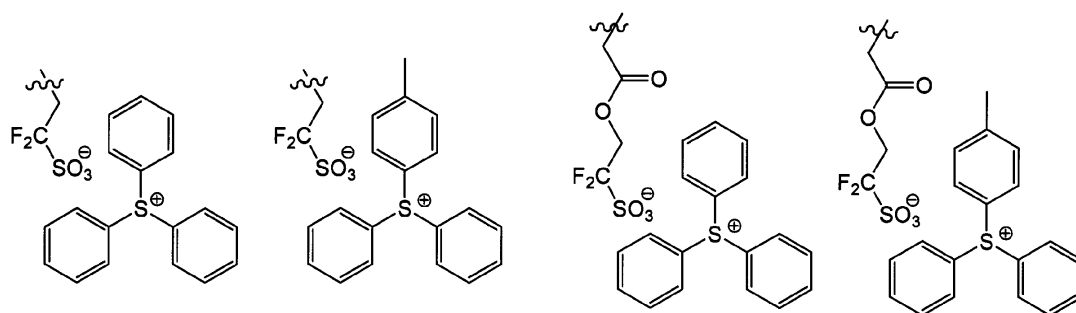
20



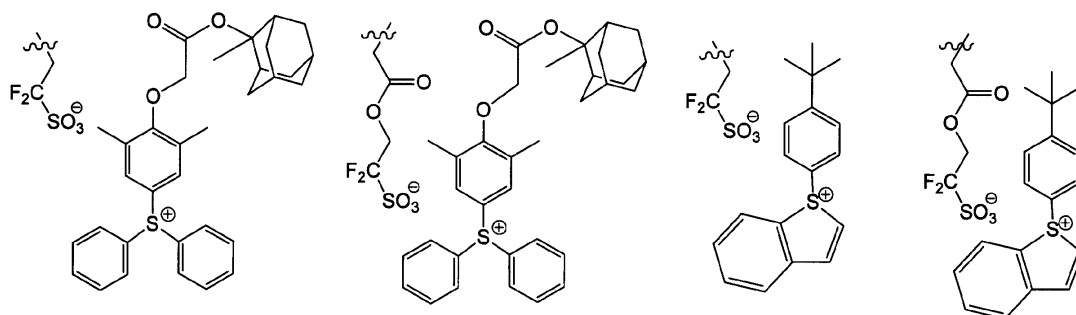
30

【 0 0 5 1 】

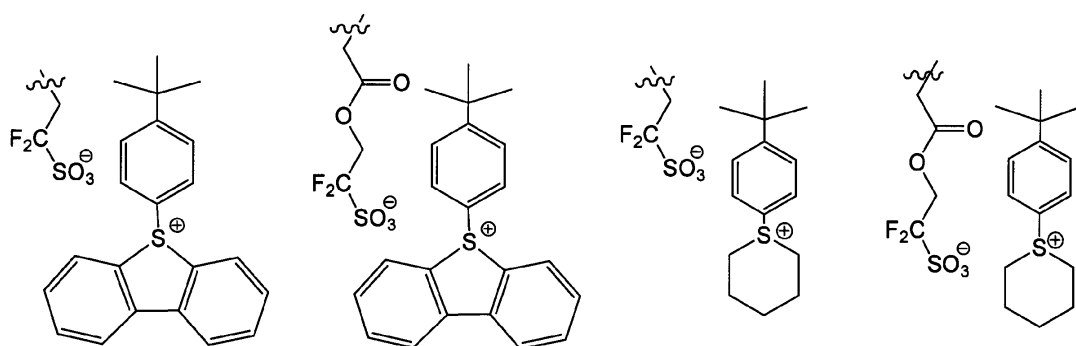
【化 1 0】



10



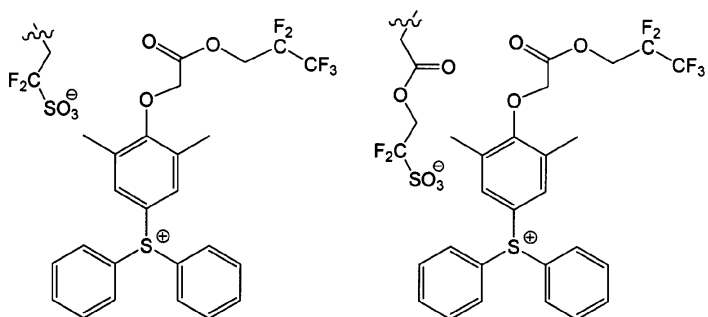
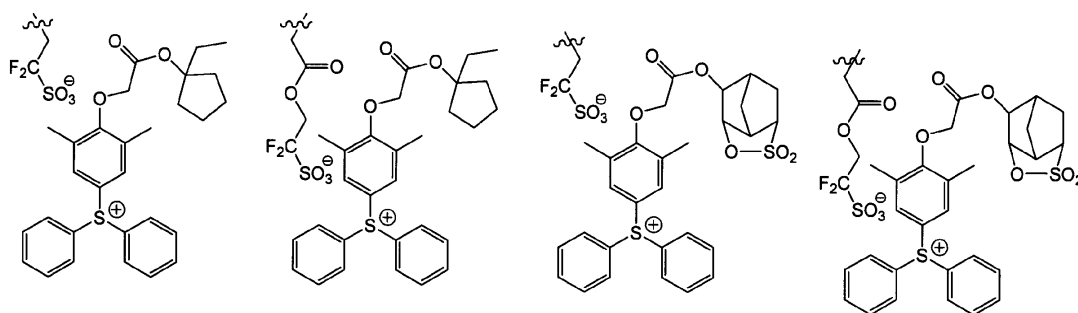
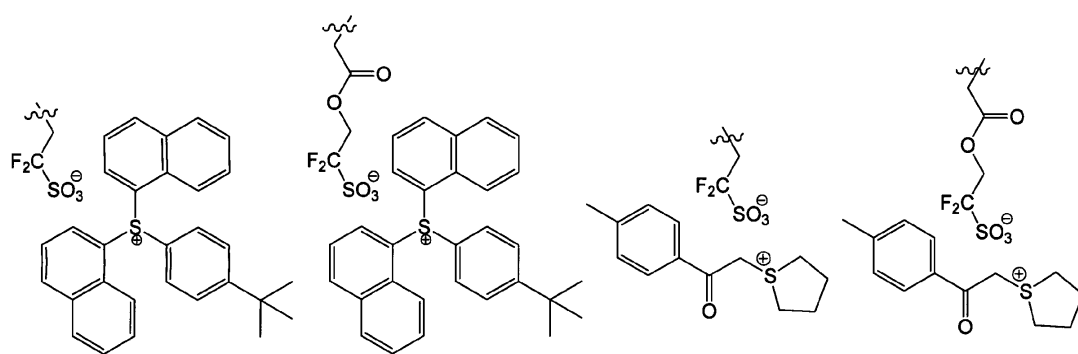
20



30

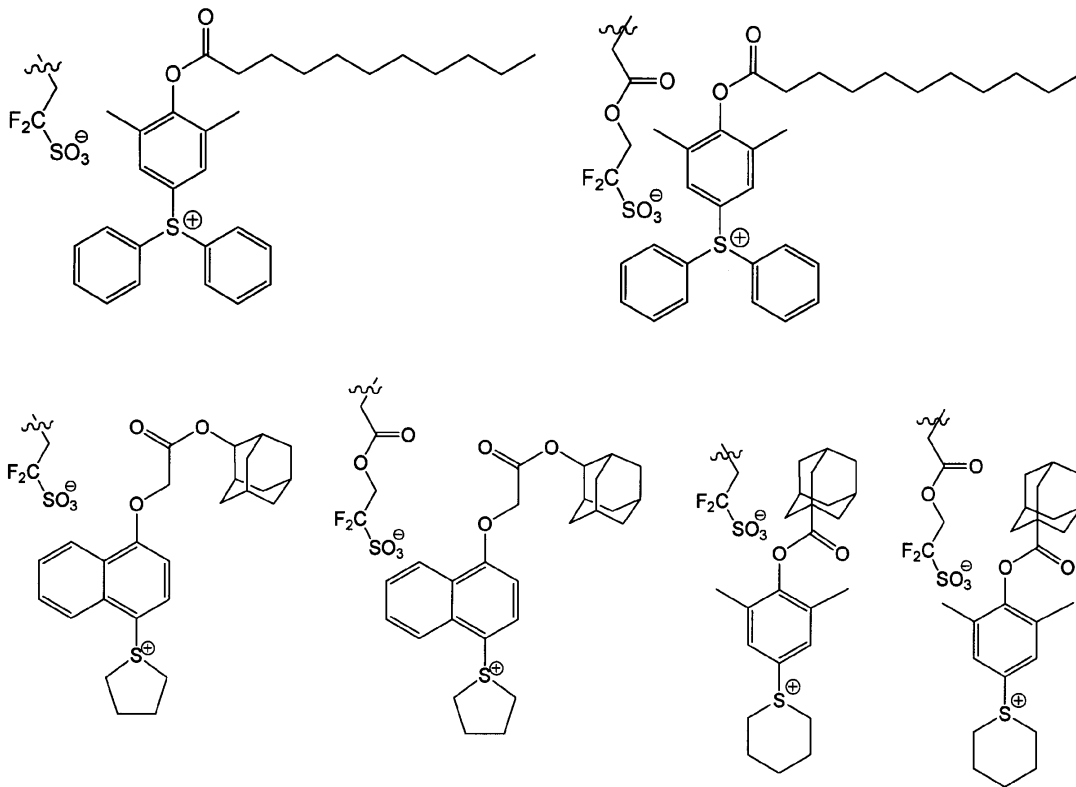
【 0 0 5 2 】

【化 1 1】



【 0 0 5 3】

【化 1 2】



10

20

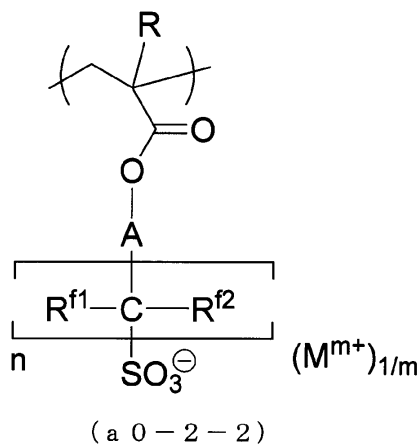
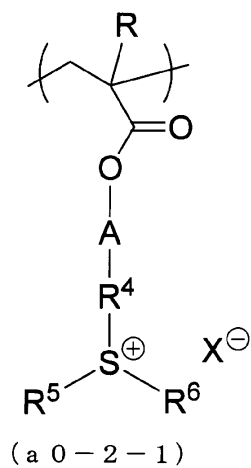
【0054】

本発明の構成単位 (a 0-2) は、下記一般式 (a 0-2-1) で表される構成単位 (a 0-2-1)、又は下記一般式 (a 0-2-2) で表される構成単位 (a 0-2-2) であることが好ましい。

【0055】

【化 1 3】

30



40

[式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基、又は炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であり、Aは単結合又は2価の連結基であり、R⁴は置換基を有してもよいアリーレン基であり、R⁵、R⁶はそれぞれ独立に有機基であり、R⁵、R⁶は相互に結合

50

して式中のイオウ原子と共に環を形成していてもよく、 X^- は対アニオンであり、 R^{f1} 、 R^{f2} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、フッ素原子、又はフッ素化アルキル基であり、 R^{f1} 、 R^{f2} のうち少なくとも1つはフッ素原子又はフッ素化アルキル基であり、 n は1～8の整数であり、 M^{m+} は対カチオンであり、 m は1～3の整数である。]

【0056】

式(a0-2-1)、(a0-2-2)中、 R は前記同様であり、水素原子又はメチル基であることが好ましい。

式(a0-2-1)、(a0-2-2)中、 A 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^- 、 R^{f1} 、 R^{f2} 、 n 、 M^{m+} 、 m はそれぞれ、上記式(a0-2-10)、(a0-2-20)中の A 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^- 、 R^{f1} 、 R^{f2} 、 n 、 M^{m+} 、 m と同様である。

10

【0057】

(A1)成分中、構成単位(a0-2)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

(A1)成分中、構成単位(a0-2)の割合は、(a0-2)成分を構成する全構成単位の合計に対し、1～40モル%であることが好ましく、1～35モル%がより好ましく、3～30モル%がさらに好ましい。構成単位(a0-2)の割合が前記範囲内であると、本願発明の効果がより向上する。

【0058】

(構成単位(a1))

構成単位(a1)は、酸解離性溶解抑制基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位である。

20

構成単位(a1)における酸解離性溶解抑制基は、解離前は(A1)成分全体をアルカリ現像液に対して難溶とするアルカリ溶解抑制性を有するとともに、酸により解離してこの(A1)成分全体のアルカリ現像液に対する溶解性を増大させるものであり、これまで、化学増幅型レジスト用のベース樹脂の酸解離性溶解抑制基として提案されているものを使用することができる。一般的には、(メタ)アクリル酸等におけるカルボキシ基と環状または鎖状の第3級アルキルエステルを形成する基；アルコキシアルキル基等のアセター型酸解離性溶解抑制基などが広く知られている。

【0059】

ここで、「第3級アルキルエステル」とは、カルボキシ基の水素原子が、鎖状または環状のアルキル基で置換されることによりエステルを形成しており、そのカルボニルオキシ基($-C(=O)-O-$)の末端の酸素原子に、前記鎖状または環状のアルキル基の第3級炭素原子が結合している構造を示す。この第3級アルキルエステルにおいては、酸が作用すると、酸素原子と第3級炭素原子との間で結合が切断される。

30

なお、前記鎖状または環状のアルキル基は置換基を有していてもよい。

以下、カルボキシ基と第3級アルキルエステルを構成することにより、酸解離性となっている基を、便宜上、「第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基」という。

第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基としては、脂肪族分岐鎖状酸解離性溶解抑制基、脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基が挙げられる。

【0060】

40

ここで、本特許請求の範囲及び明細書における「脂肪族分岐鎖状」とは、芳香族性を持たない分岐鎖状の構造を有することを示す。

「脂肪族分岐鎖状酸解離性溶解抑制基」の構造は、炭素および水素からなる基(炭化水素基)であることに限定はされないが、炭化水素基であることが好ましい。

また、「炭化水素基」は飽和または不飽和のいずれでもよいが、通常は飽和であることが好ましい。

脂肪族分岐鎖状酸解離性溶解抑制基としては、炭素数4～8の第3級アルキル基が好ましく、具体的にはtert-ブチル基、tert-ペンチル基、tert-ヘプチル基等が挙げられる。

【0061】

50

「脂肪族環式基」は、芳香族性を持たない単環式基または多環式基であることを示す。

構成単位 (a 1) における「脂肪族環式基」は、置換基を有していてもよいし、有していてもよい。置換基としては、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のアルコキシ基、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数 1～5 のフッ素化アルキル基、酸素原子 (=O) 等が挙げられる。

「脂肪族環式基」の置換基を除いた基本の環の構造は、炭素および水素からなる基 (炭化水素基) であることに限定はされないが、炭化水素基であることが好ましい。また、「炭化水素基」は飽和または不飽和のいずれでもよいが、通常は飽和であることが好ましい。「脂肪族環式基」は、多環式基であることが好ましい。

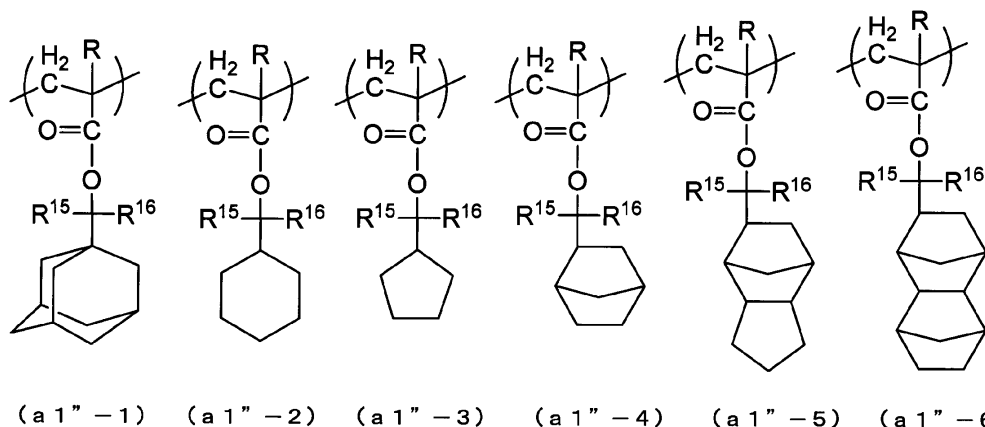
脂肪族環式基としては、例えば、炭素数 1～5 のアルキル基、フッ素原子またはフッ素化アルキル基で置換されていてもよいし、されていなくてもよいモノシクロアルカン、ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから 1 個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。より具体的には、シクロペンタン、シクロヘキサン等のモノシクロアルカンや、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから 1 個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。

【0062】

脂肪族環式基を含有する酸解離性溶解抑制基としては、例えば環状のアルキル基の環骨格上に第 3 級炭素原子を有する基を挙げることができ、具体的には 2-メチル-2-アダマンチル基や、2-エチル-2-アダマンチル基等が挙げられる。あるいは、下記一般式 (a 1''-1)～(a 1''-6) で示す構成単位において、カルボニルオキシ基 (-C(O)-O-) の酸素原子に結合した基の様に、アダマンチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、ノルボルニル基、トリシクロデシル基、テトラシクロドデシル基等の脂肪族環式基と、これに結合する、第 3 級炭素原子を有する分岐鎖状アルキレン基とを有する基が挙げられる。

【0063】

【化 14】



[式中、R は水素原子、炭素数 1～5 のアルキル基または炭素数 1～5 のハロゲン化アルキル基を示し；R¹⁵、R¹⁶ はアルキル基 (直鎖状、分岐鎖状のいずれでもよく、好ましくは炭素数 1～5 である) を示す。]

【0064】

一般式 (a 1''-1)～(a 1''-6) において、R は前記式 (a 0-1) 中の R¹ と同様である。

【0065】

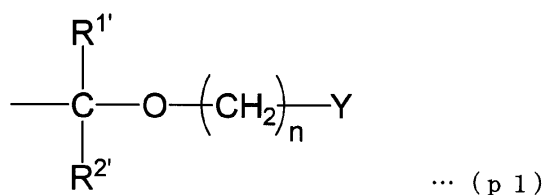
「アセタール型酸解離性溶解抑制基」は、一般的に、カルボキシ基、水酸基等のアルカリ可溶性基末端の水素原子と置換して酸素原子と結合している。そして、露光により酸が発生すると、この酸が作用して、アセタール型酸解離性溶解抑制基と、当該アセタール型

酸解離性溶解抑制基が結合した酸素原子との間で結合が切断される。

アセタール型酸解離性溶解抑制基としては、たとえば、下記一般式（p 1）で表される基が挙げられる。

【0066】

【化15】



10

[式中、 $\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ はそれぞれ独立して水素原子または炭素数1～5のアルキル基を表し、 n は0～3の整数を表し、 Y は炭素数1～5のアルキル基または脂肪族環式基を表す。]

【0067】

上記式中、 n は、0～2の整数であることが好ましく、0または1がより好ましく、0が最も好ましい。

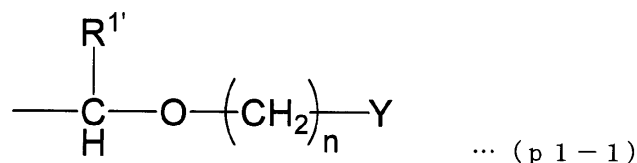
$\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ の炭素数1～5のアルキル基としては、上記Rの炭素数1～5のアルキル基と同様のものが挙げられ、メチル基またはエチル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。

20

本発明においては、 $\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ のうち少なくとも1つが水素原子であることが好ましい。すなわち、酸解離性溶解抑制基（p 1）が、下記一般式（p 1-1）で表される基であることが好ましい。

【0068】

【化16】



30

[式中、 $\text{R}^{1'}$ 、 n 、 Y は上記と同様である。]

【0069】

Y の炭素数1～5のアルキル基としては、上記Rの炭素数1～5のアルキル基と同様のものが挙げられる。

Y の脂肪族環式基としては、従来ArFレジスト等において多数提案されている単環または多環式の脂肪族環式基の中から適宜選択して用いることができ、たとえば上記「脂肪族環式基」と同様のものが例示できる。

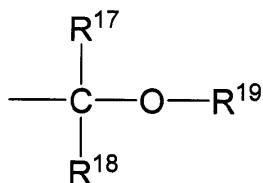
40

【0070】

また、アセタール型酸解離性溶解抑制基としては、下記一般式（p 2）で示される基も挙げられる。

【0071】

【化 1 7】



… (p 2)

[式中、 R^{17} 、 R^{18} はそれぞれ独立して直鎖状または分岐鎖状のアルキル基または水素原子であり、 R^{19} は直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基である。または、 R^{17} および R^{19} がそれぞれ独立に直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基であって、 R^{17} の末端と R^{19} の末端とが結合して環を形成していてもよい。]

10

【0072】

R^{17} 、 R^{18} において、アルキル基の炭素数は、好ましくは1～15であり、直鎖状、分岐鎖状のいずれでもよく、エチル基、メチル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。特に、 R^{17} 、 R^{18} の一方が水素原子で、他方がメチル基であることが好ましい。

R^{19} は直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基であり、炭素数は、好ましくは1～15であり、直鎖状、分岐鎖状または環状のいずれでもよい。

R^{19} が直鎖状、分岐鎖状の場合は炭素数1～5であることが好ましく、エチル基、メチル基がさらに好ましく、特にエチル基が最も好ましい。

20

R^{19} が環状の場合は炭素数4～15であることが好ましく、炭素数4～12であることがさらに好ましく、炭素数5～10が最も好ましい。具体的にはフッ素原子またはフッ素化アルキル基で置換されていてもよいし、されていなくてもよいモノシクロアルカン、ビスシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基などを例示できる。具体的には、シクロペンタン、シクロヘキサン等のモノシクロアルカンや、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。中でもアダマンタンから1個以上の水素原子を除いた基が好ましい。

30

また、上記式においては、 R^{17} 及び R^{19} が、それぞれ独立に直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基（好ましくは炭素数1～5のアルキレン基）であって R^{19} の末端と R^{17} の末端とが結合していてもよい。

この場合、 R^{17} と R^{19} と、 R^{19} が結合した酸素原子と、該酸素原子および R^{17} が結合した炭素原子とにより環式基が形成されている。該環式基としては、4～7員環が好ましく、4～6員環がより好ましい。該環式基の具体例としては、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基等が挙げられる。

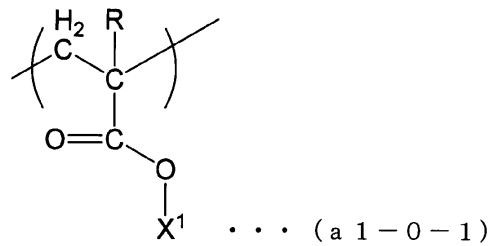
【0073】

構成単位(a1)としては、下記一般式(a1-0-1)で表される構成単位および下記一般式(a1-0-2)で表される構成単位からなる群から選ばれる1種以上を用いることが好ましい。

40

【0074】

【化 1 8】

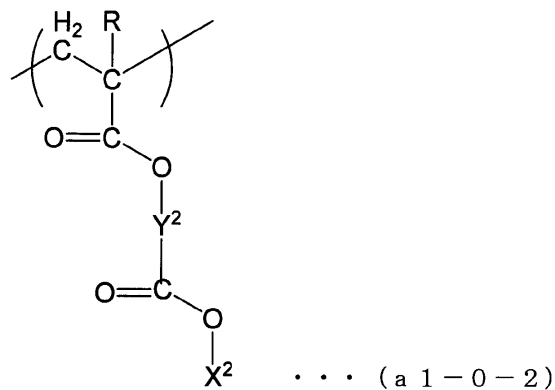


10

[式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基を示し、X¹は酸解離性溶解抑制基を示す。]

【0075】

【化 1 9】



20

[式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基を示し、X²は酸解離性溶解抑制基を示し、Y²は2価の連結基を示す。]

【0076】

30

一般式(a1-0-1)において、Rの炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基は、上記アクリル酸エステル α 位に結合してよい炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基と同様である。

X¹は、酸解離性溶解抑制基であれば特に限定されることはなく、例えば上述した第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基、アセタール型酸解離性溶解抑制基などを挙げることができ、第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基が好ましい。

【0077】

一般式(a1-0-2)において、Rは上記と同様である。

X²は、式(a1-0-1)中のX¹と同様である。

Y²の2価の連結基は、前記式(a0-1)中のR²と同様である。

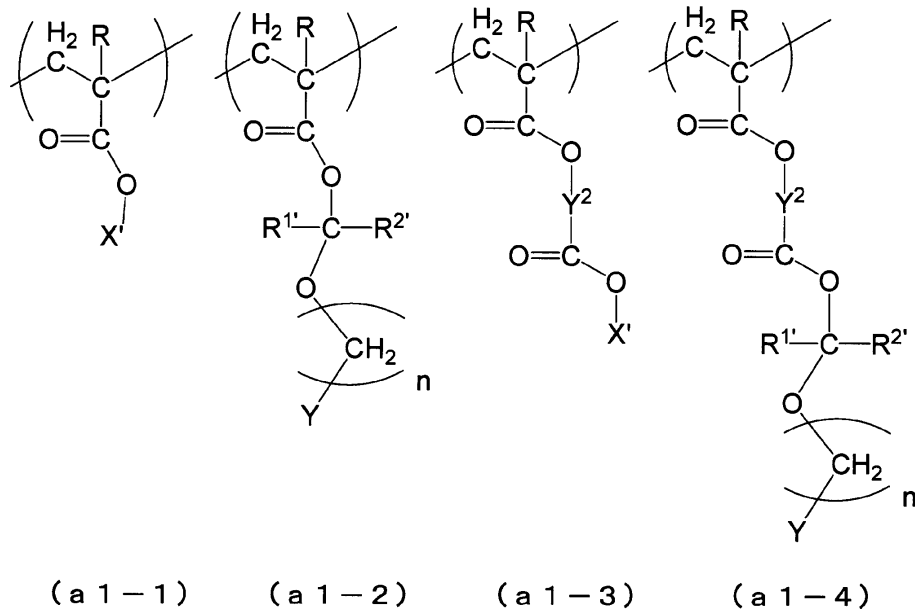
40

【0078】

構成単位(a1)として、より具体的には、下記一般式(a1-1)～(a1-4)で表される構成単位が挙げられる。

【0079】

【化 20】



10

[式中、 X' は第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基を表し、 Y は炭素数1～5のアルキル基、または脂肪族環式基を表し； n は0～3の整数を表し； Y^2 は2価の連結基を表し； R は前記と同じであり、 $\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ はそれぞれ独立して水素原子または炭素数1～5のアルキル基を表す。]

【0080】

前記式中、 X' は、前記 X^1 において例示した第3級アルキルエステル型酸解離性溶解抑制基と同様のものが挙げられる。

$\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ 、 n 、 Y としては、それぞれ、上述の「アセタール型酸解離性溶解抑制基」の説明において挙げた一般式(p1)における $\text{R}^{1'}$ 、 $\text{R}^{2'}$ 、 n 、 Y と同様のものが挙げられる。

30

Y^2 としては、上述の一般式(a1-0-2)における Y^2 と同様のものが挙げられる。

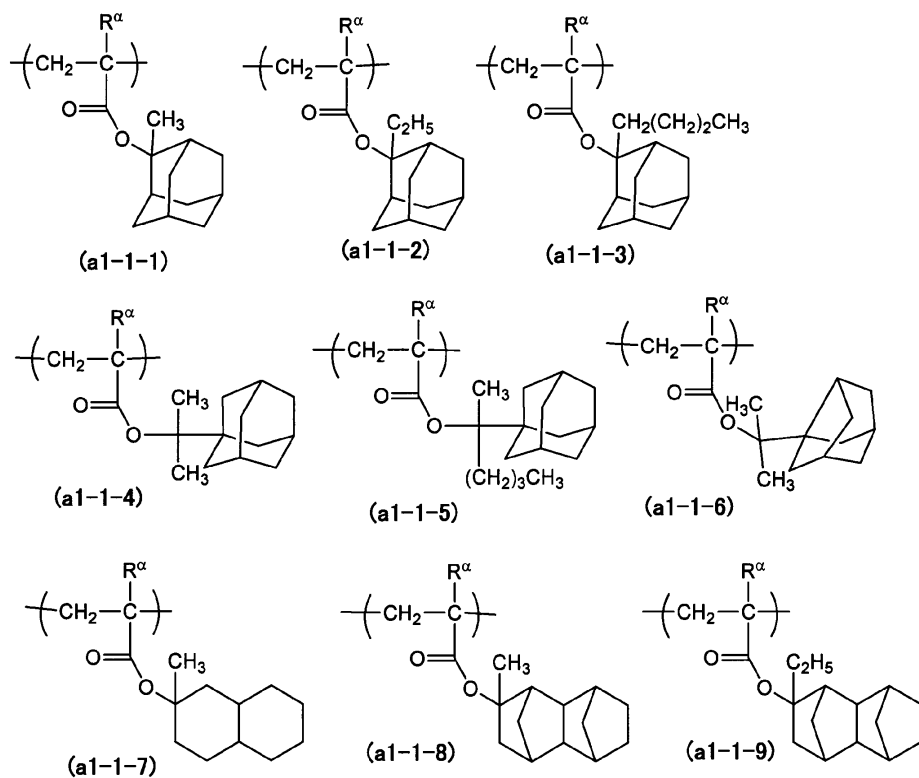
【0081】

以下に、上記一般式(a1-1)～(a1-4)で表される構成単位的具体例を示す。

以下の各式中、 R^a は、水素原子、メチル基またはトリフルオロメチル基を示す。

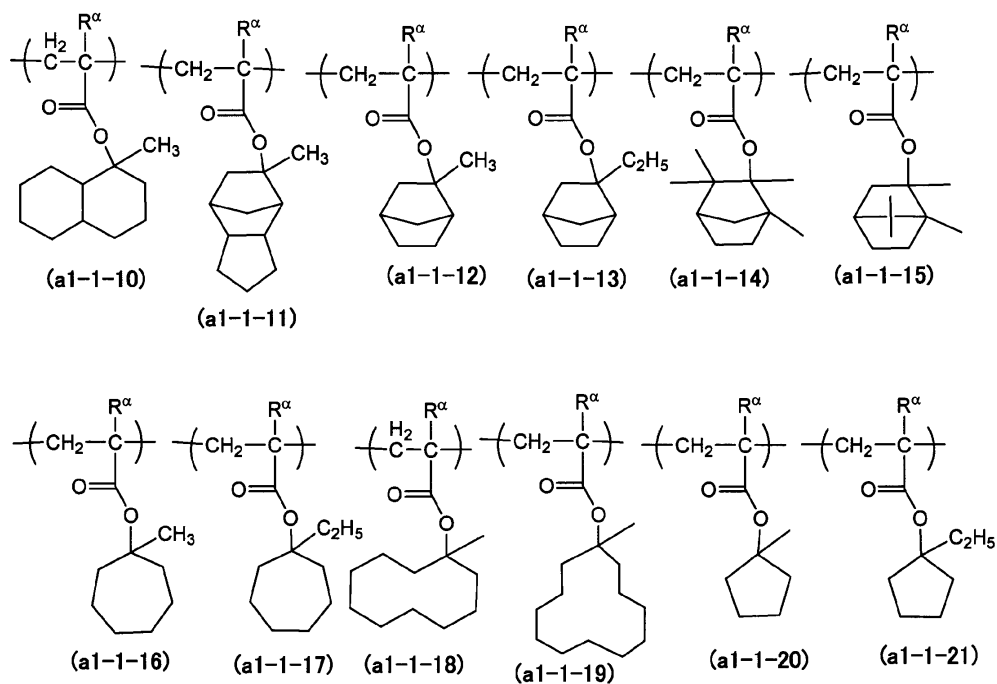
【0082】

【化 2 1】



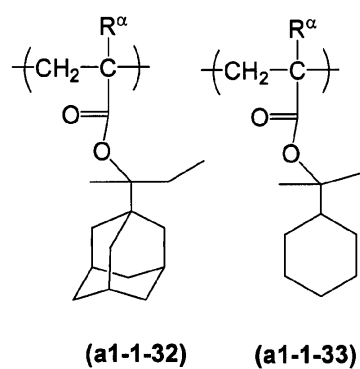
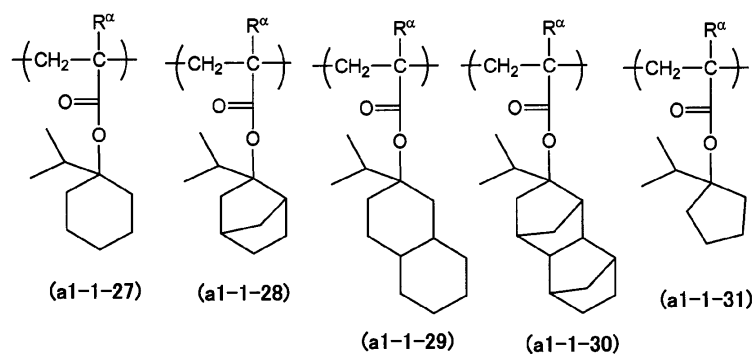
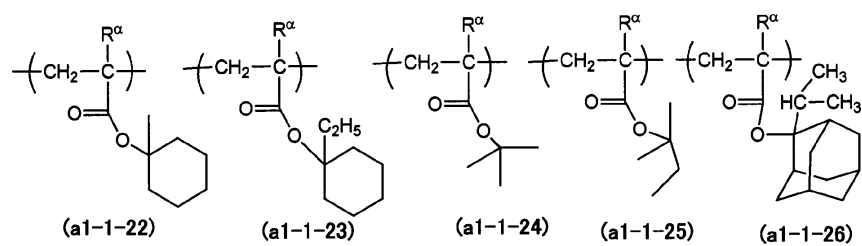
【 0 0 8 3】

【化 2 2】



【 0 0 8 4】

【化 2 3】



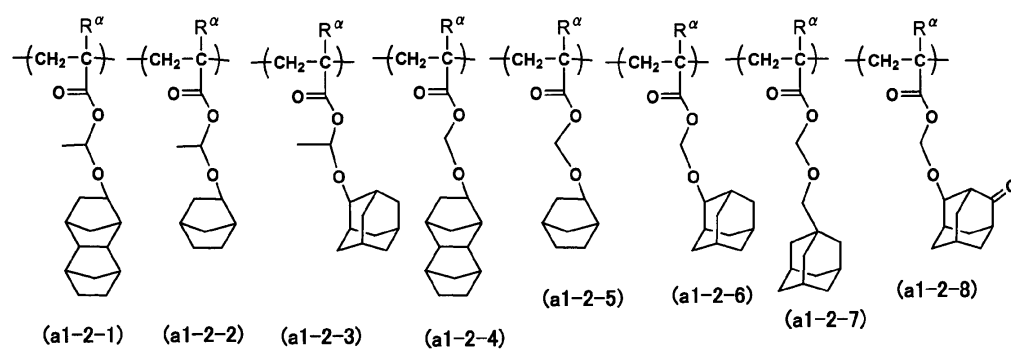
【 0 0 8 5 】

10

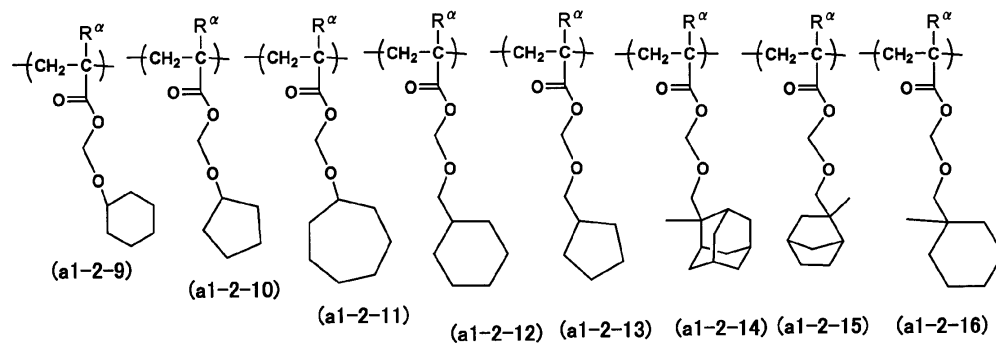
20

30

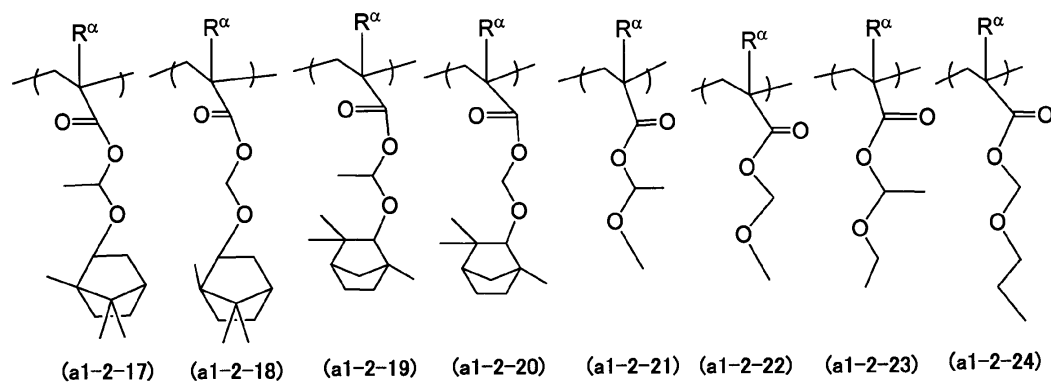
【化 2 4】



10



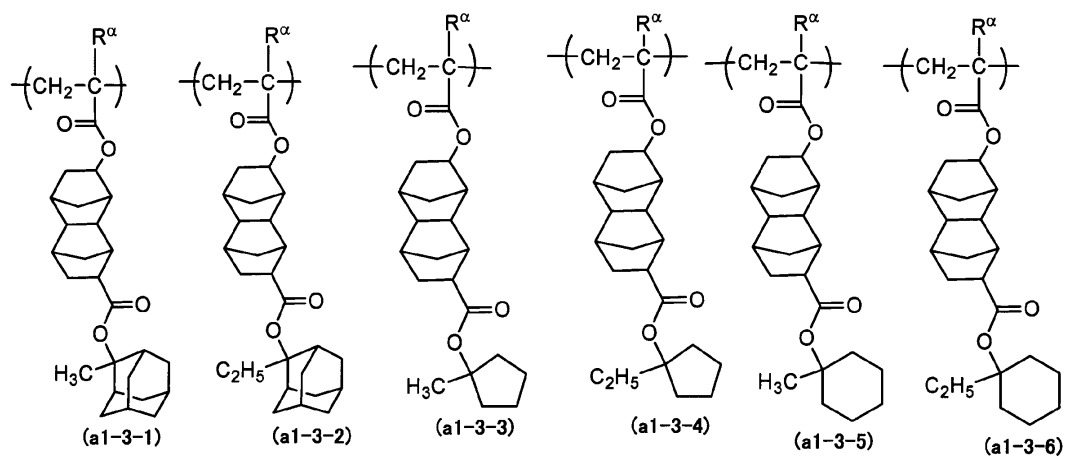
20



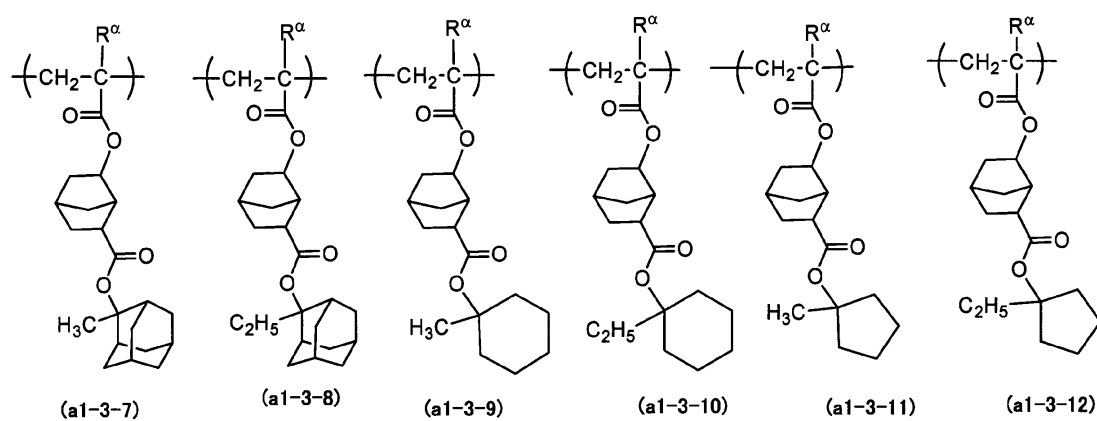
30

【 0 0 8 6 】

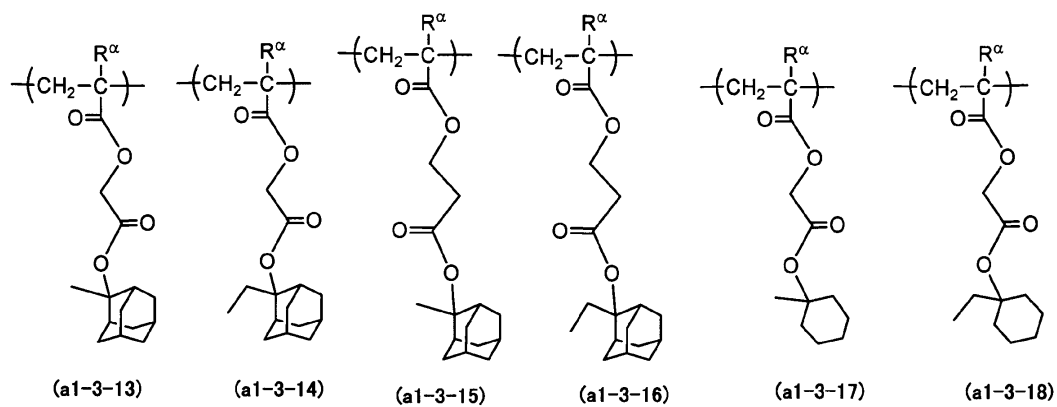
【化 2 5】



10



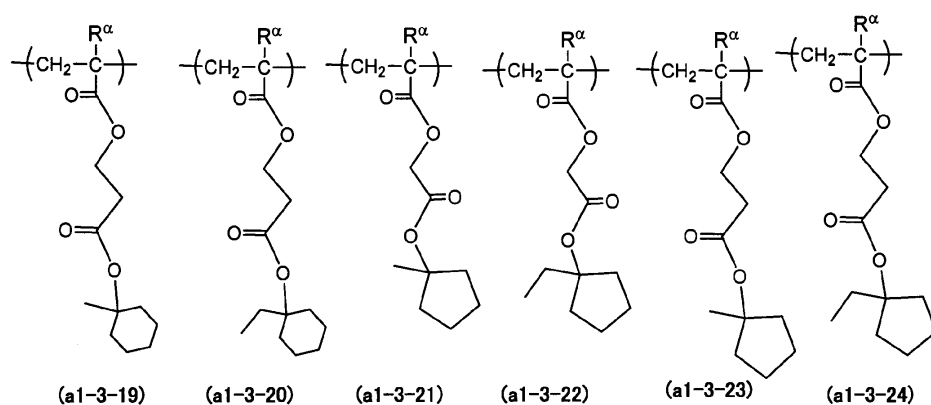
20



30

【 0 0 8 7 】

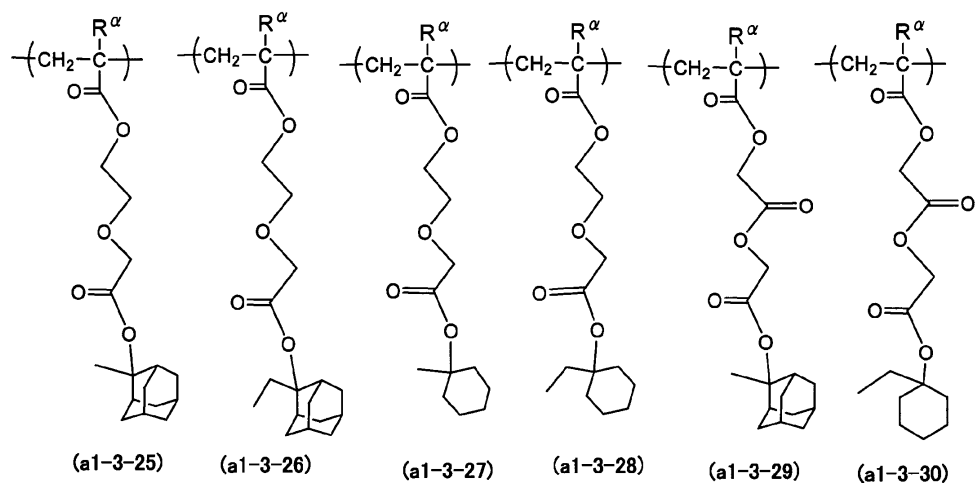
【化 2 6】



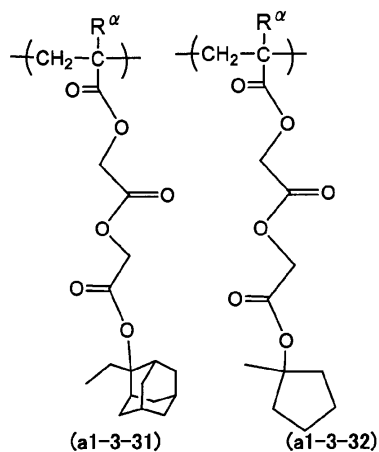
10

【 0 0 8 8 】

【化 2 7】



20

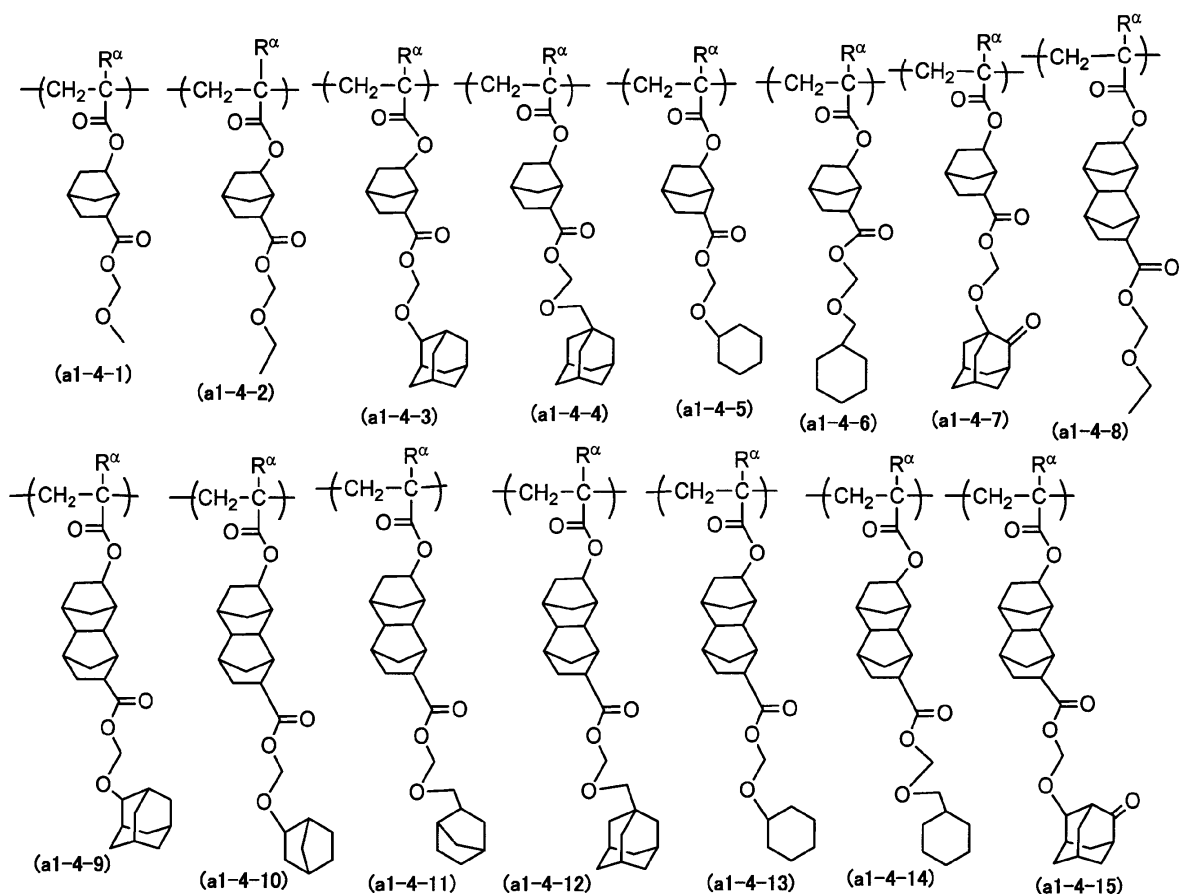


30

40

【 0 0 8 9 】

【化 2 8】



【0090】

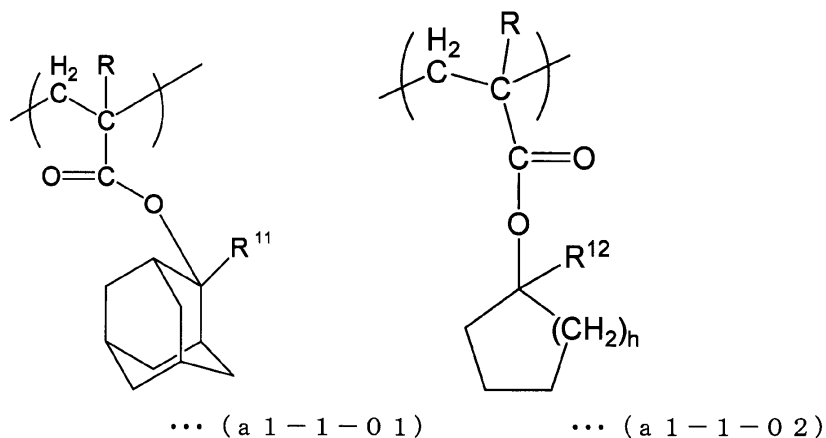
構成単位 (a1) は、1 種を単独で用いてもよく、2 種以上を組み合わせ用いてもよい。

その中でも、一般式 (a1-1)、(a1-2) または (a1-3) で表される構成単位が好ましく、具体的には (a1-1-1) ~ (a1-1-4)、(a1-1-20) ~ (a1-1-23)、(a1-1-23)、(a1-1-32) ~ (a1-1-33)、(a1-2-1) ~ (a1-2-24) および (a1-3-25) ~ (a1-3-28) からなる群から選択される少なくとも 1 種を用いることがより好ましい。

さらに、構成単位 (a1) としては、特に式 (a1-1-1) ~ 式 (a1-1-3) および (a1-1-26) の構成単位を包括する下記一般式 (a1-1-01) で表されるもの、式 (a1-1-16) ~ (a1-1-17) および式 (a1-1-20) ~ (a1-1-23) の構成単位を包括する下記一般式 (a1-1-02) で表されるもの、式 (a1-3-25) ~ (a1-3-26) の構成単位を包括する下記一般式 (a1-3-01) で表されるもの、又は、式 (a1-3-27) ~ (a1-3-28) の構成単位を包括する下記一般式 (a1-3-02) で表されるものも好ましい。

【0091】

【化 2 9】



10

[式中、Rはそれぞれ独立に水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基を示し、 R^{11} は炭素数1～5のアルキル基を示す。 R^{12} は炭素数1～7のアルキル基を示す。hは1～6の整数を表す。]

【0092】

20

一般式(a1-1-01)において、Rについては上記と同様である。 R^{11} の炭素数1～5のアルキル基はRにおける炭素数1～5のアルキル基と同様であり、メチル基、エチル基、またはイソプロピル基が好ましい。

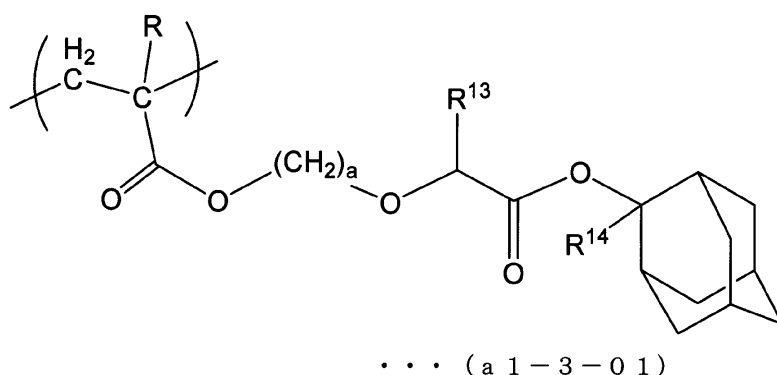
【0093】

一般式(a1-1-02)において、Rについては上記と同様である。 R^{12} の炭素数1～5のアルキル基はRにおける炭素数1～5のアルキル基と同様であり、メチル基、エチル基、またはイソプロピル基が好ましい。hは、1または2が好ましく、2が最も好ましい。

【0094】

【化 3 0】

30

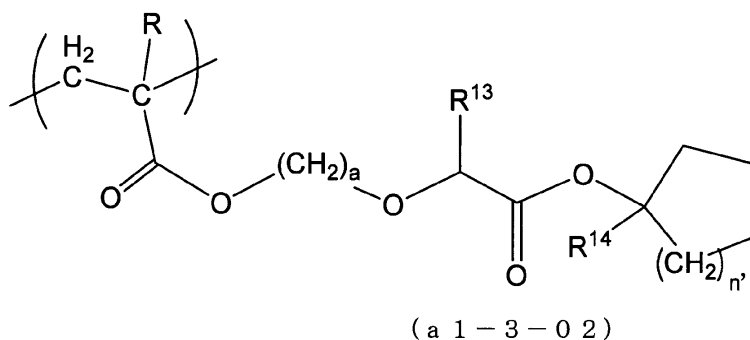


40

[式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基を示し； R^{14} は炭素数1～5のアルキル基であり、 R^{13} は水素原子またはメチル基であり、aは1～10の整数である。]

【0095】

【化 3 1】



10

[式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基を示し； R^{14} は炭素数1～5のアルキル基であり、 R^{13} は水素原子またはメチル基であり、aは1～10の整数であり、 n' は1～6の整数である。]

【0096】

前記一般式 (a 1 - 3 - 0 1) 、 (a 1 - 3 - 0 2) において、Rについては上記と同様である。

R^{13} は、水素原子が好ましい。

20

R^{14} の炭素数1～5のアルキル基は、Rにおける炭素数1～5のアルキル基と同様であり、メチル基またはエチル基が好ましい。

n' は、1または2が好ましく、2が最も好ましい。

aは、1～8の整数が好ましく、2～5の整数が特に好ましく、2が最も好ましい。

【0097】

(A 1) 成分中、構成単位 (a 1) の割合は、(A 1) 成分を構成する全構成単位に対し、5～80モル%が好ましく、10～80モル%がより好ましく、15～75モル%がさらに好ましい。下限値以上とすることによって、レジスト組成物とした際に容易にパターンを得ることができ、上限値以下とすることにより他の構成単位とのバランスをとることができる。

30

【0098】

(構成単位 (a 2))

構成単位 (a 2) は、ラクトン含有環式基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位である。

ここで、ラクトン含有環式基とは、 $-O-C(O)-$ 構造を含むひとつの環 (ラクトン環) を含有する環式基を示す。ラクトン環をひとつの目の環として数え、ラクトン環のみの場合は単環式基、さらに他の環構造を有する場合は、その構造に関わらず多環式基と称する。

構成単位 (a 2) のラクトン環式基は、(A 1) 成分をレジスト膜の形成に用いた場合に、レジスト膜の基板への密着性を高めたり、水を含む現像液との親和性を高めたりするうえで有効なものである。

40

構成単位 (a 2) としては、特に限定されことなく任意のものが使用可能である。

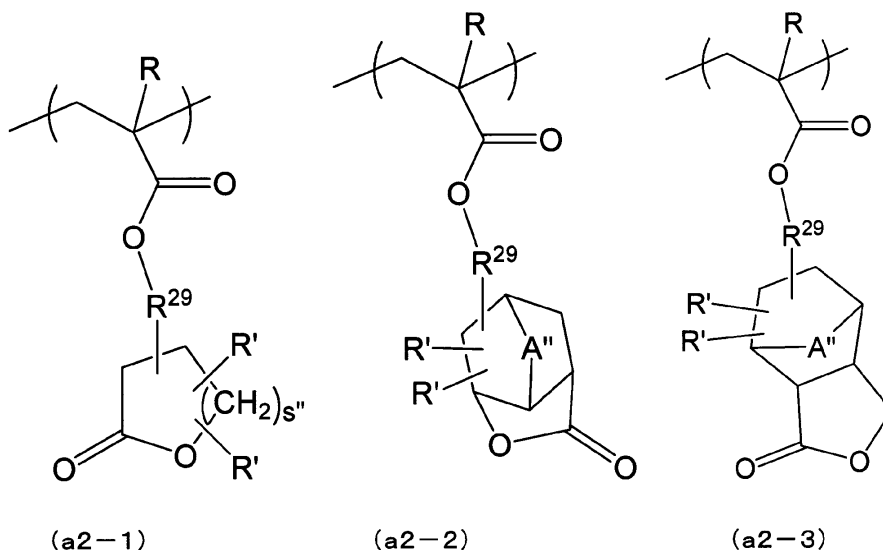
具体的には、ラクトン含有単環式基としては、4～6員環ラクトンから水素原子を1つ除いた基、たとえばβ-プロピオラクトンから水素原子を1つ除いた基、γ-ブチロラクトンから水素原子1つを除いた基、δ-バレロラクトンから水素原子を1つ除いた基が挙げられる。また、ラクトン含有多環式基としては、ラクトン環を有するビスクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンから水素原子一つを除いた基が挙げられる。

構成単位 (a 2) の例として、より具体的には、下記一般式 (a 2 - 1) ～ (a 2 - 5) で表される構成単位が挙げられる。

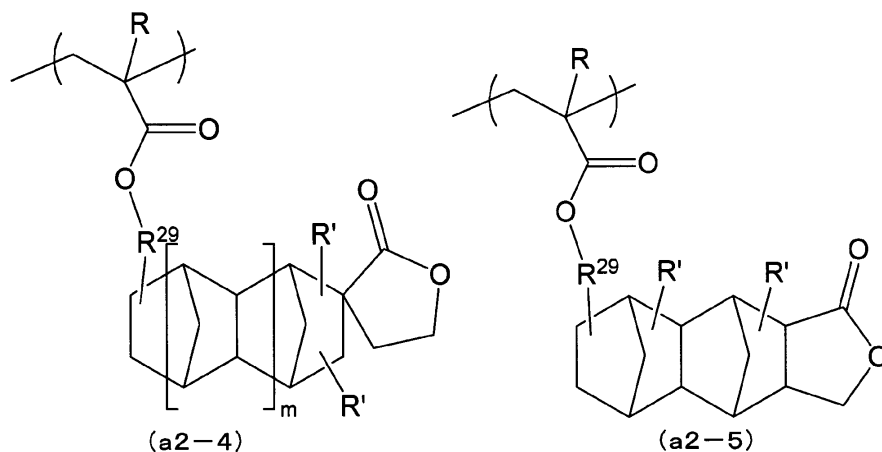
50

【0099】

【化32】



10



20

30

〔式中、Rは水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であり；R'はそれぞれ独立に水素原子、炭素数1～5のアルキル基、炭素数1～5のアルコキシ基または-COOR''であり、R''は水素原子またはアルキル基であり；R²⁹は単結合または2価の連結基であり、s''は0～2の整数であり；A''は酸素原子もしくは硫黄原子を含んでもよい炭素数1～5のアルキレン基、酸素原子または硫黄原子であり；mは0または1である。〕

R¹の炭素数1～5のハロゲン化アルキル基は、前記炭素数1～5のアルキル基の水素原子の一部または全部がハロゲン原子で置換された基である。該ハロゲン原子としては、

40

【0100】

一般式(a2-1)～(a2-5)におけるRは、前記構成単位(a1)におけるRと同様である。

R'の炭素数1～5のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、tert-ブチル基が挙げられる。

R'の炭素数1～5のアルコキシ基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、tert-ブトキシ基が挙げられる。

50

R' は、工業上入手が容易であること等を考慮すると、水素原子が好ましい。

R'' におけるアルキル基は、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。

R'' が直鎖状または分岐鎖状のアルキル基の場合は、炭素数 1～10 であることが好ましく、炭素数 1～5 であることがさらに好ましい。

R'' が環状のアルキル基の場合は、炭素数 3～15 であることが好ましく、炭素数 4～12 であることがさらに好ましく、炭素数 5～10 が最も好ましい。具体的には、フッ素原子またはフッ素化アルキル基で置換されていてもよいし、されていなくてもよいモノシクロアルカン、ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから 1 個以上の水素原子を除いた基などを例示できる。具体的には、シクロペンタン、シクロヘキサン等のモノシクロアルカンや、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロデカンなどのポリシクロアルカンから 1 個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。

10

A'' としては、前記一般式 (3-1) 中の A' と同様のものが挙げられる。A'' は、炭素数 1～5 のアルキレン基、酸素原子 (—O—) または硫黄原子 (—S—) であることが好ましく、炭素数 1～5 のアルキレン基または —O— がより好ましい。炭素数 1～5 のアルキレン基としては、メチレン基またはジメチルメチレン基がより好ましく、メチレン基が最も好ましい。

【0101】

R²⁹ は単結合または 2 価の連結基である。2 価の連結基としては、前記一般式 (a0-1) 中の R² で説明した 2 価の連結基と同様のものが挙げられる。それらの中でも、アルキレン基、エステル結合 (—C(=O)—O—)、またはそれらの組み合わせが好ましい。R²⁹ における 2 価の連結基としてのアルキレン基は、直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基がより好ましい。具体的には、前記 R² における脂肪族炭化水素基として挙げた直鎖状のアルキレン基、分岐鎖状のアルキレン基と同様のものが挙げられる。

20

R²⁹ としては、特に、単結合、または —R²⁹′ —C(=O)—O— [式中、R²⁹′ は直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基である。] が好ましい。

R²⁹′ における直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基は、炭素数が 1～10 であることが好ましく、1～8 がより好ましく、1～5 がさらに好ましく、1～3 が特に好ましく、1～2 が最も好ましい。

R²⁹′ における直鎖状のアルキレン基としては、メチレン基またはエチレン基が好ましく、メチレン基が特に好ましい。R²⁹′ における分岐鎖状のアルキレン基としては、アルキルメチレン基またはアルキルエチレン基が好ましく、—CH(CH₃)—、—C(CH₃)₂—または —C(CH₃)₂CH₂— が特に好ましい。

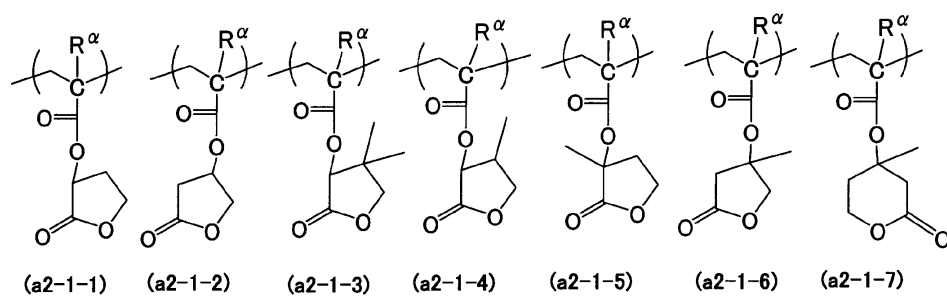
30

式 (a2-1) 中、s'' は 1～2 であることが好ましい。

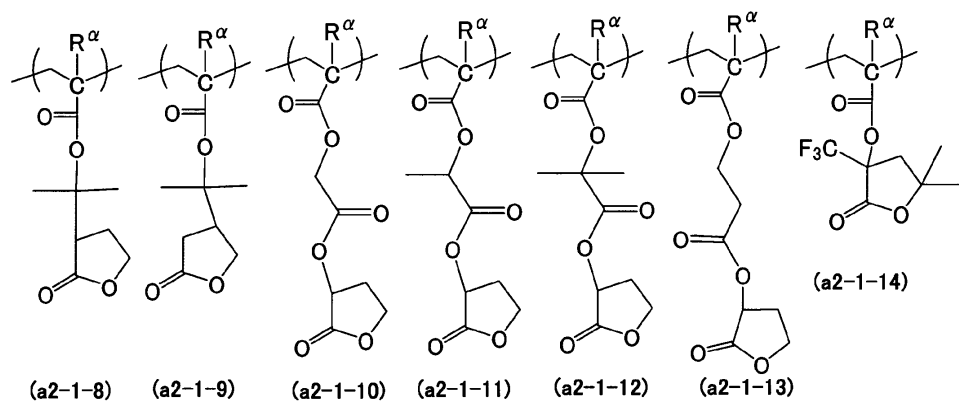
以下に、前記一般式 (a2-1)～(a2-5) で表される構成単位的具体例を例示する。以下の各式中、R^a は、水素原子、メチル基またはトリフルオロメチル基を示す。

【0102】

【化 3 3】



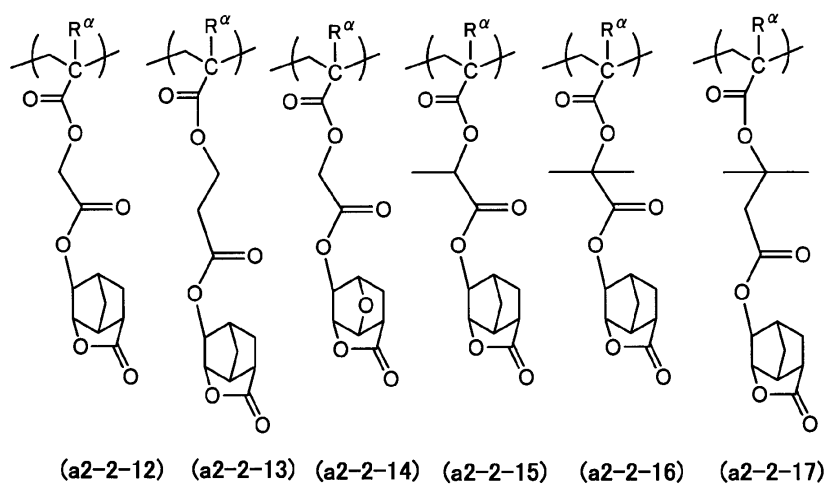
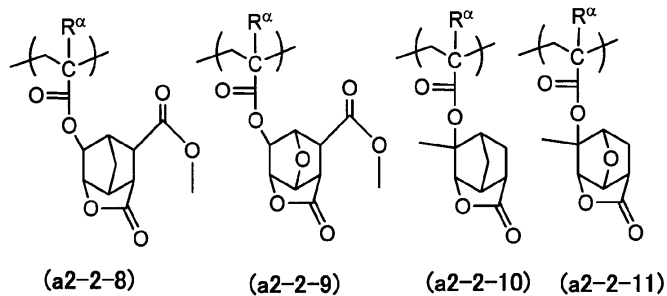
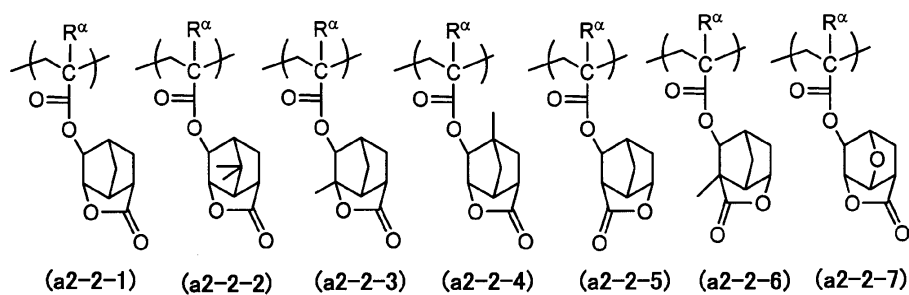
10



20

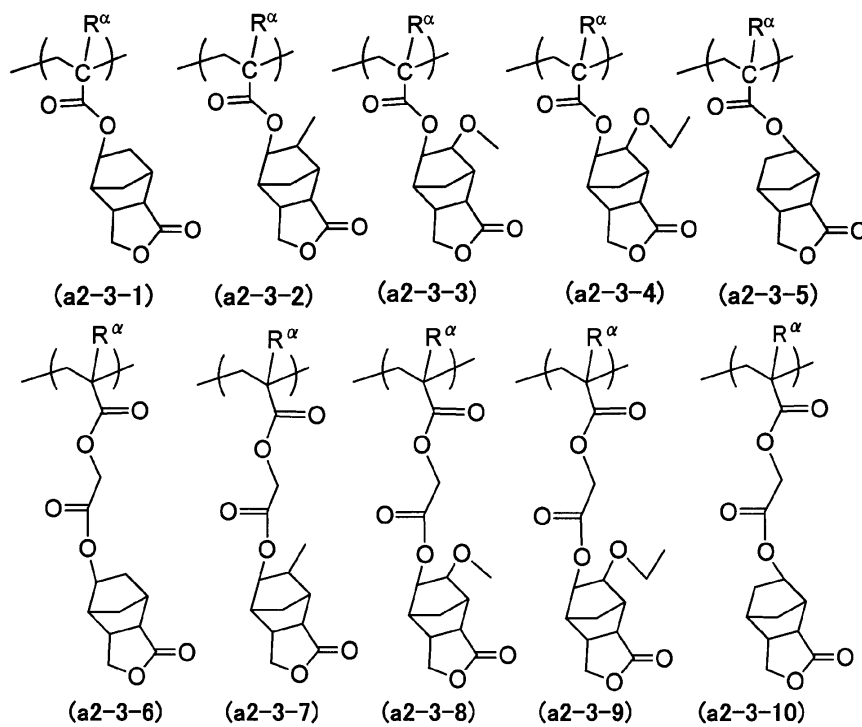
【 0 1 0 3 】

【化 3 4】



【 0 1 0 4 】

【化 3 5】

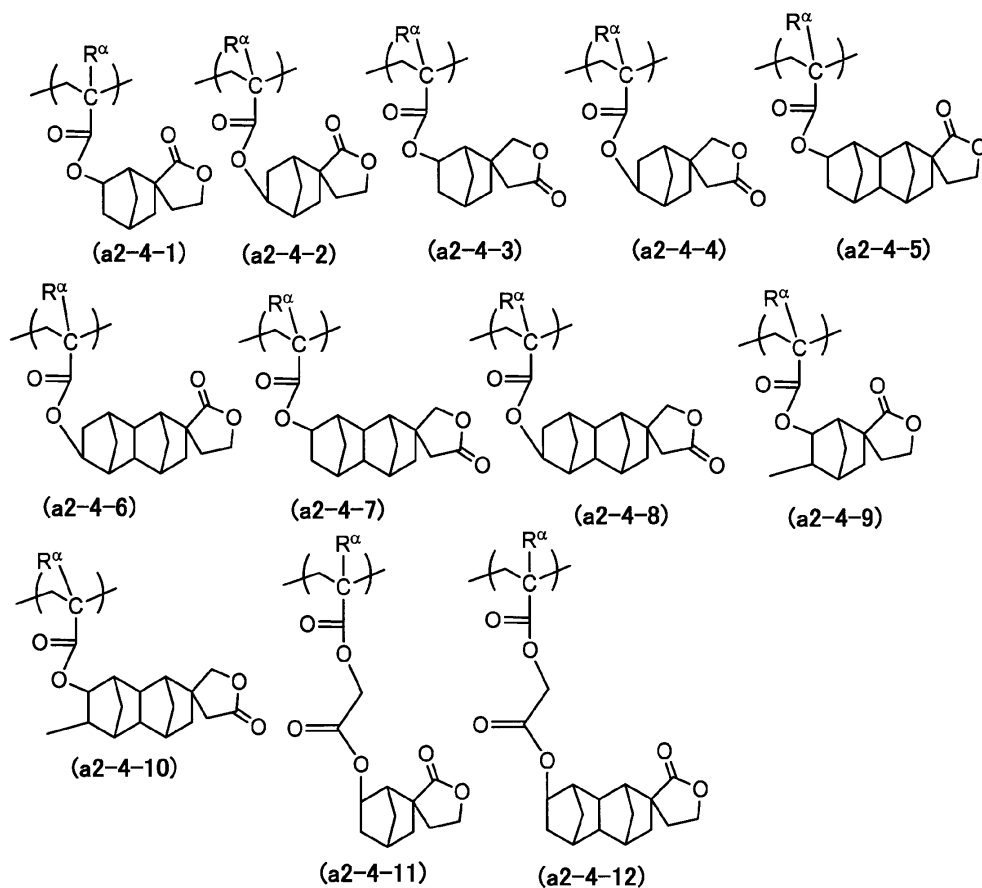


10

20

【 0 1 0 5】

【化 3 6】



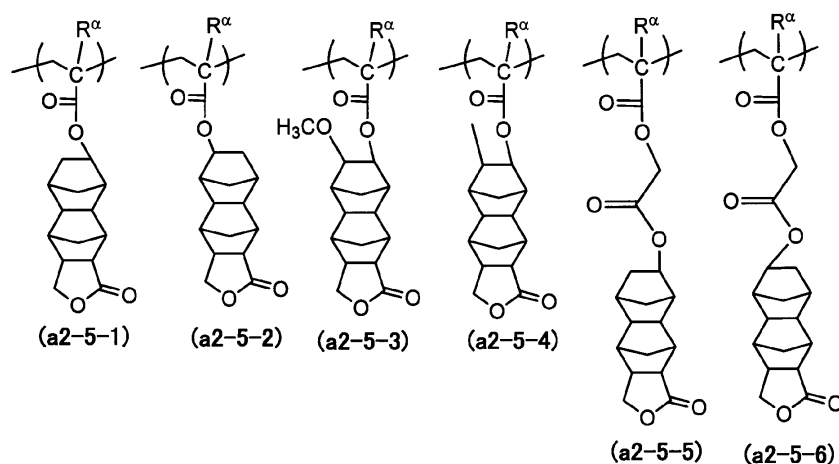
30

40

50

【0106】

【化37】



10

【0107】

(A1)成分において、構成単位(a2)としては、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

20

本発明において、(A1)成分が構成単位(a2)を有する場合、構成単位(a2)として、前記一般式(a2-1)～(a2-5)のいずれかで表される構成単位からなる群から選択される少なくとも1種を有することが好ましく、前記一般式(a2-1)～(a2-3)のいずれかで表される構成単位からなる群から選択される少なくとも1種以上がより好ましく、前記一般式(a2-1)または(a2-2)で表される構成単位からなる群から選択される少なくとも1種を有することが特に好ましい。

【0108】

(A1)成分が構成単位(a2)を有する場合、(A1)成分中の構成単位(a2)の割合は、当該(A1)成分を含有するポジ型レジスト組成物を用いて形成されるレジスト膜の基板等の支持体への密着性、現像液との親和性等に優れることから、(A1)成分を構成する全構成単位の合計に対し、5～70モル%以上であることが好ましく、10～65モル%がより好ましく、15～65モル%がさらに好ましく、20～60モル%が最も好ましい。上記範囲とすることにより、MEFやパターン形状がさらに向上し、CDUも向上する。

30

【0109】

(構成単位(a3))

構成単位(a3)は、極性基含有脂肪族炭化水素基又は極性基含有芳香族炭化水素基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位である。

(A1)成分が構成単位(a3)を有することにより、(A')成分の親水性が高まり、現像液との親和性が高まって、露光部でのアルカリ溶解性が向上し、解像性の向上に寄与する。

40

極性基としては、水酸基、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基の水素原子の一部がフッ素原子で置換されたヒドロキシアルキル基、 $-\text{SO}_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{OSO}_2\text{NH}_2$ 等が挙げられ、特に水酸基、 $-\text{OSO}_2\text{NH}_2$ が好ましい。

脂肪族炭化水素基としては、炭素数1～10の直鎖状または分岐鎖状の炭化水素基(好ましくはアルキレン基)や、多環式の脂肪族炭化水素基(多環式基)が挙げられる。

該多環式基としては、例えばArFエキシマレーザー用レジスト組成物用の樹脂において、多数提案されているものの中から適宜選択して用いることができる。該多環式基の炭素数は7～30であることが好ましい。

その中でも、水酸基、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基の水素原子の一部がフッ素

50

原子で置換されたヒドロキシアルキル基、または $-\text{OSO}_2\text{NH}_2$ を含有する脂肪族多環式基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位がより好ましい。該多環式基としては、ビスクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどから2個以上の水素原子を除いた基などを例示できる。具体的には、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから2個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。これらの多環式基の中でも、アダマンタンから2個以上の水素原子を除いた基、ノルボルナンから2個以上の水素原子を除いた基、テトラシクロドデカンから2個以上の水素原子を除いた基が工業上好ましい。

芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、ビフェニル(biphenyl)基、フルオレニル(fluorenyl)基、ナフチル基、アントリル(anthryl)基、フェナントリル基等の、1価の芳香族炭化水素基の芳香族炭化水素の核から水素原子をさらに1つ除いた2価の芳香族炭化水素基；

10

当該2価の芳香族炭化水素基の環を構成する炭素原子の一部が酸素原子、硫黄原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換された芳香族炭化水素基；

ベンジル基、フェネチル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、1-ナフチルエチル基、2-ナフチルエチル基等のアリールアルキル基等で、かつ、その芳香族炭化水素の核から水素原子をさらに1つ除いた芳香族炭化水素基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基は、置換基を有していてもよいし、有していなくてもよい。置換基としては、炭素数1～5のアルキル基、フッ素原子、フッ素原子で置換された炭素数1～5のフッ素化アルキル基、酸素原子($=\text{O}$)等が挙げられる。

20

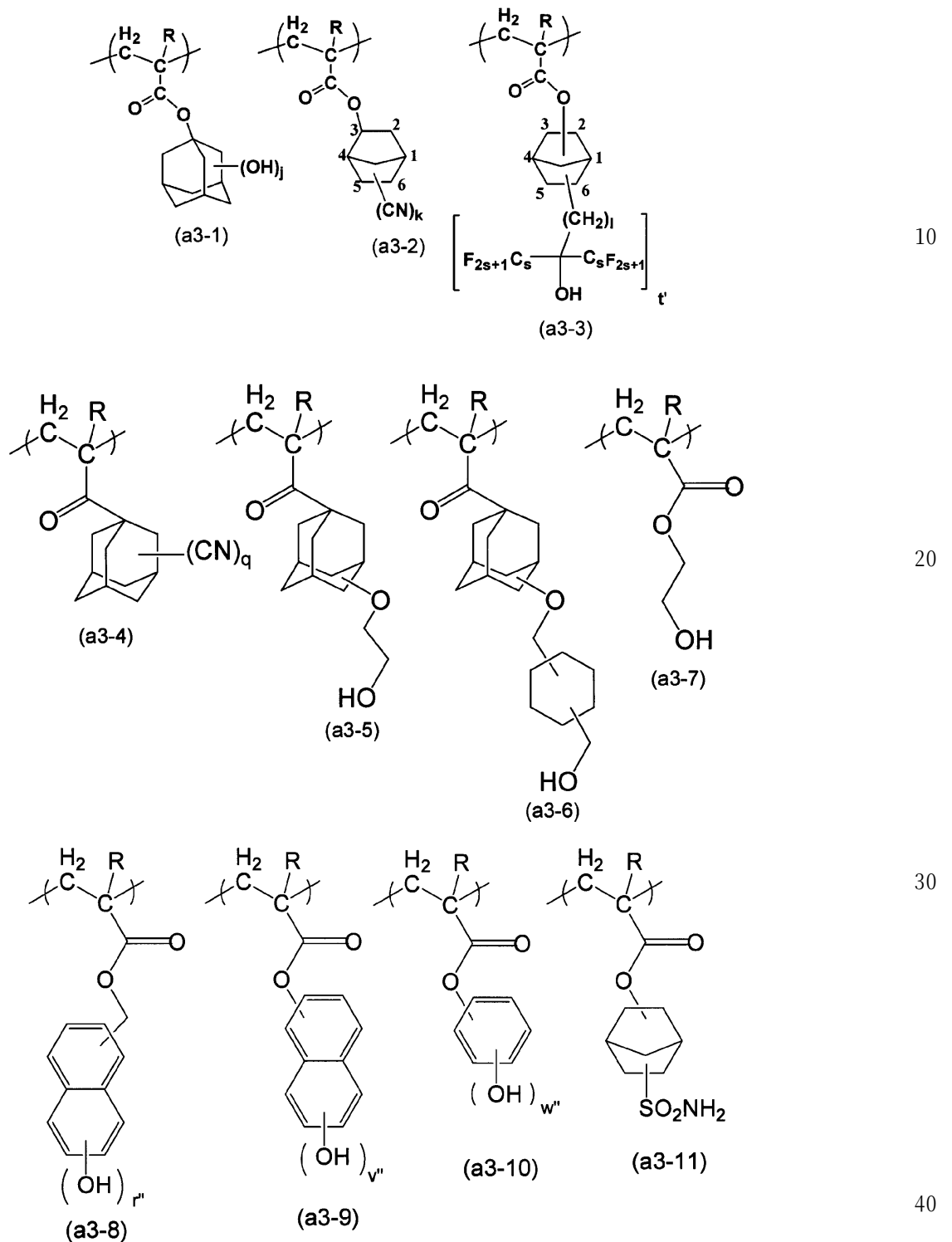
【0110】

構成単位(a3)としては、極性基含有脂肪族炭化水素基における炭化水素基が炭素数1～10の直鎖状または分岐鎖状の炭化水素基のときは、アクリル酸のヒドロキシエチルエステルから誘導される構成単位が好ましく、該炭化水素基が多環式基のときは、下記式(a3-1)で表される構成単位、下記式(a3-2)で表される構成単位、下記式(a3-3)で表される構成単位が好ましいものとして挙げられる。

構成単位(a3)としては、下記式(a3-4)～(a3-11)で表される構成単位も好ましい。

【0111】

【化 3 8】



[式中、Rは前記と同じであり、jは1～3の整数であり、kは1～3の整数であり、t'は1～3の整数であり、lは1～5の整数であり、sは1～3の整数であり、q、r''、v''、w''はそれぞれ独立に1～3の整数である。]

【0112】

式(a3-1)中、jは1または2であることが好ましく、1であることがさらに好ましい。jが2の場合は、水酸基がアダマンチル基の3位と5位に結合しているものが好ましい。jが1の場合は、水酸基がアダマンチル基の3位に結合しているものが好ましい。

jは1であることが好ましく、水酸基がアダマンチル基の3位に結合しているものが特

に好ましい。

【0113】

式(a3-2)中、kは1であることが好ましい。シアノ基は、ノルボルニル基の5位または6位に結合していることが好ましい。

【0114】

式(a3-3)中、t'は1であることが好ましい。lは1であることが好ましい。sは1であることが好ましい。これらは、アクリル酸のカルボキシ基の末端に、2-ノルボルニル基または3-ノルボルニル基が結合していることが好ましい。フッ素化アルキルアルコールは、ノルボルニル基の5または6位に結合していることが好ましい。

【0115】

式(a3-4)中、qは1または2であることが好ましく、1であることがさらに好ましい。qが2の場合は、シアノ基がアダマンチル基の3位と5位に結合しているものが好ましい。qが1の場合は、シアノ基がアダマンチル基の3位に結合しているものが好ましい。

式(a3-8)中、r''は1または2であることが好ましく、1であることがさらに好ましい。

式(a3-9)中、v''は1または2であることが好ましく、1であることがさらに好ましい。

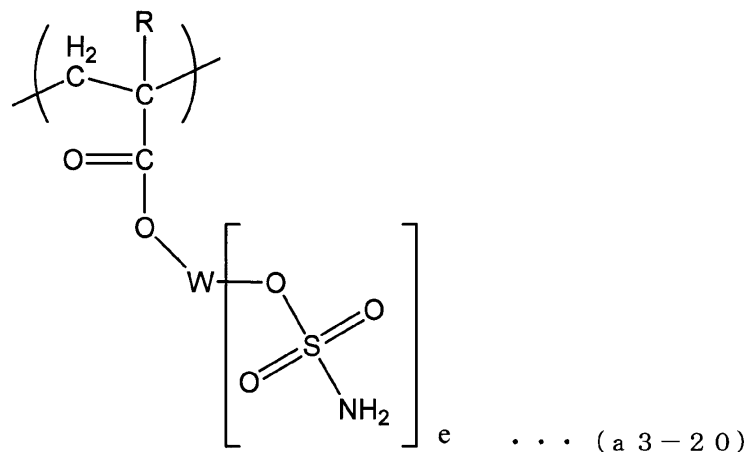
式(a3-10)中、w''は1または2であることが好ましく、1であることがさらに好ましい。

【0116】

さらに、構成単位(a3)としては、下記一般式(a3-20)で表される構成単位も好ましい。

【0117】

【化39】



[式中、Rは前記と同じであり、Wは任意の位置に酸素原子を含んでいてもよい環状のアルキレン基を表す。eは1又は2である。]

【0118】

式(a3-20)中、Wは任意の位置に酸素原子を含んでいてもよい環状のアルキレン基を表す。

該アルキレン基の炭素数は3～20であることが好ましく、5～12であることがより好ましい。

該アルキレン基は、種々のリソグラフィー特性に優れることから単環式、多環式ともに好ましい。Tgが高くなることによりリソグラフィー特性が向上する点や、エッチング耐性がより向上する点から、多環式であることが好ましく、2～4環式であることが好まし

い。

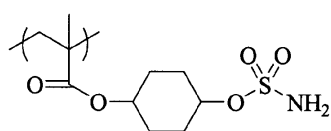
該アルキレン基として具体的には、例えばシクロプロパンジイル基、シクロブター1, 2-ジイル基、シクロブター1, 3-ジイル基、シクロペンター1, 2-ジイル基、シクロペンター1, 3, -ジイル基、シクロヘキサ-1, 2-ジイル基、シクロヘキサ-1, 3-ジイル基、シクロヘキサ-1, 4-ジイル基、ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2, 3-ジイル基、ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2, 5-ジイル基、7-オキサビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2, 5-ジイル基、ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2, 6-ジイル基、7-オキサビスクロ[2. 2. 1]ヘプター2, 6-ジイル基、アダマンター1, 3-ジイル基、アダマンター1, 2-ジイル基などが挙げられる。

【0119】

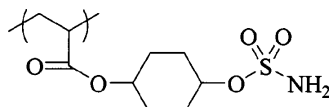
構成単位(a3-20)として、より具体的には、下記式(a3-20-10)～(a3-20-41)で表される構成単位が挙げられる。

【0120】

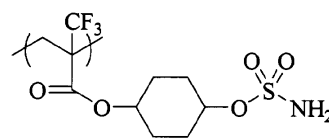
【化40】



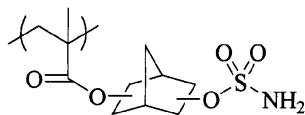
(a3-20-10)



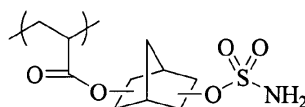
(a3-20-11)



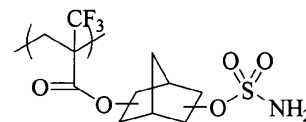
(a3-20-12)



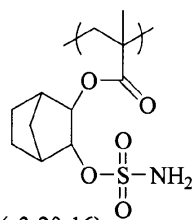
(a3-20-13)



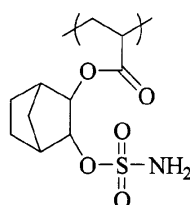
(a3-20-14)



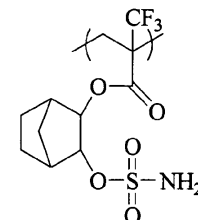
(a3-20-15)



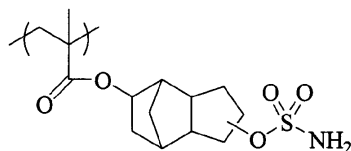
(a3-20-16)



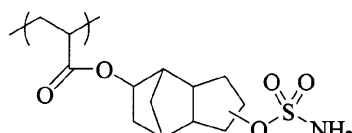
(a3-20-17)



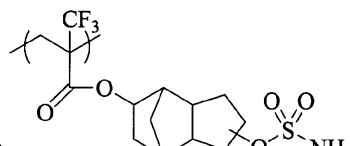
(a3-20-18)



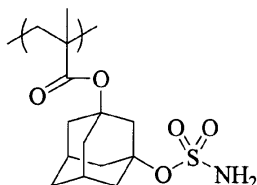
(a3-20-19)



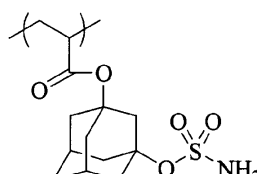
(a3-20-20)



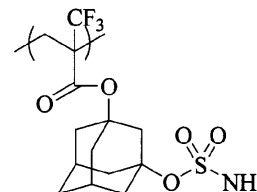
(a3-20-21)



(a3-20-22)



(a3-20-23)



(a3-20-24)

【0121】

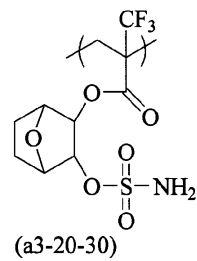
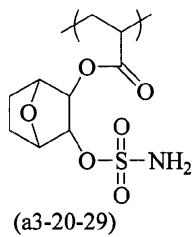
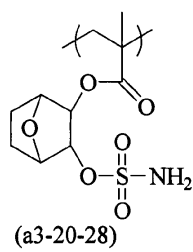
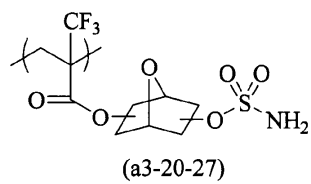
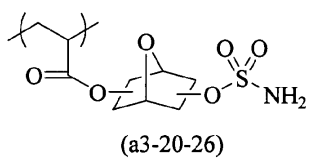
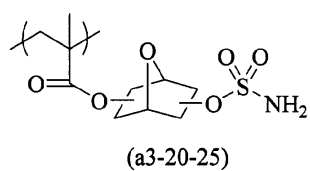
10

20

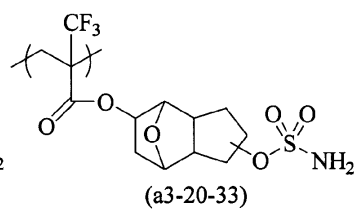
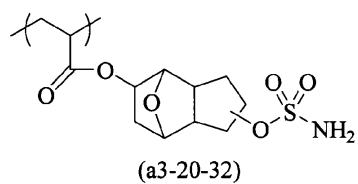
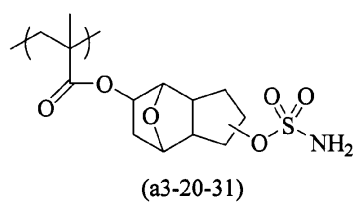
30

40

【化 4 1】



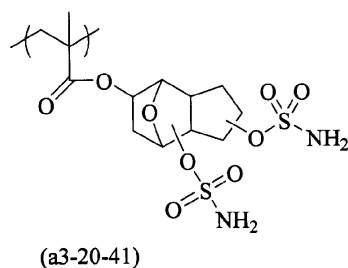
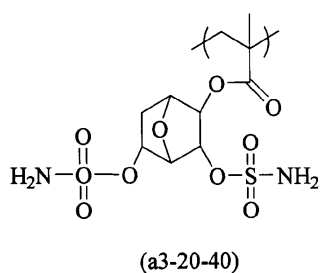
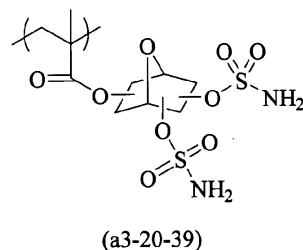
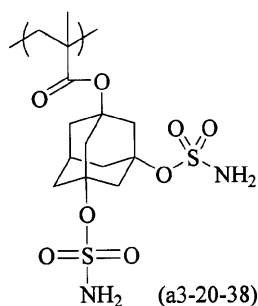
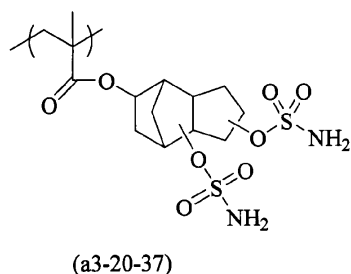
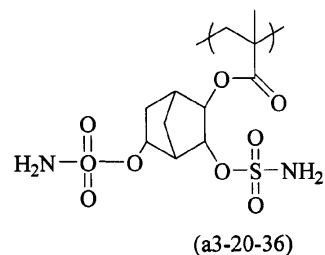
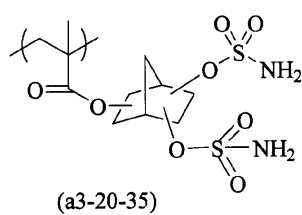
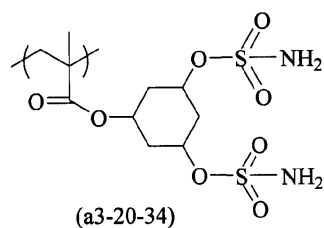
10



20

【 0 1 2 2】

【化 4 2】



【0123】

構成単位（a3）は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

（A1）成分が構成単位（a3）を有する場合、（A1）成分中、構成単位（a3）の割合は、当該（A1）成分を構成する全構成単位に対し、1～50モル%であることが好ましく、3～45モル%がより好ましく、5～40モル%がさらに好ましい。下限値以上とすることにより構成単位（a3）を含有させることによる効果が十分に得られ、上限値以下とすることにより他の構成単位とのバランスをとることができる。

【0124】

（その他の構成単位）

（A1）成分は、本発明の効果を損なわない範囲で、上記構成単位（a1）～（a3）以外の他の構成単位（以下、構成単位（a4）という。）を含んでもよい。

構成単位（a4）は、上述の構成単位（a1）～（a3）に分類されない他の構成単位であれば特に限定されるものではなく、ArFエキシマレーザ用、KrFエキシマレーザ用（好ましくはArFエキシマレーザ用）等のレジスト用樹脂に用いられるものとして従来から知られている多数のものが使用可能である。

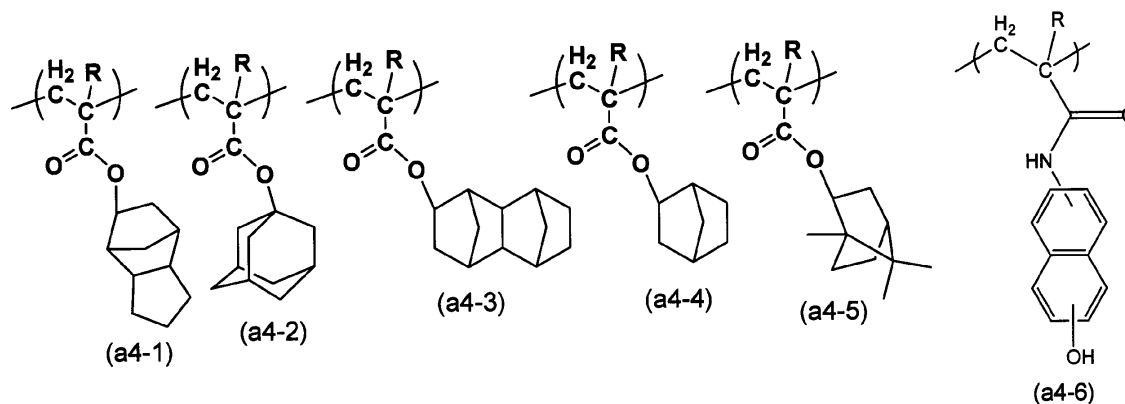
構成単位（a4）としては、例えば酸非解離性の脂肪族多環式基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位、アクリルアミド、スチレン単量体、ビニルナフタレン単量体から誘導される構成単位などが好ましい。該多環式基は、例えば、前記の構成単位（a1）の場合に例示したものと同様のものを例示することができ、ArFエキシマレーザ用、KrFエキシマレーザ用（好ましくはArFエキシマレーザ用）等のレジスト組成物の樹脂成分に用いられるものとして従来から知られている多数のものが使用可能である。

特にトリシクロデカニル基、アダマンチル基、テトラシクロドデカニル基、イソボルニル基、ノルボルニル基から選ばれる少なくとも1種であると、工業上入手し易いなどの点で好ましい。これらの多環式基は、炭素数1～5の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基を置換基として有していてもよい。

構成単位(a4)として、具体的には、下記一般式(a4-1)～(a4-6)の構造のものを例示することができる。

【0125】

【化43】



10

20

[式中、Rは前記と同じである。]

【0126】

構成単位(a4)としては、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

構成単位(a4)を(A1)成分に含有させる場合、構成単位(a4)の割合は、(A1)成分を構成する全構成単位の合計に対して、1～20モル%が好ましく、1～15モル%がより好ましく、1～10モル%がさらに好ましい。

【0127】

(A1)成分は、構成単位(a0-1)、(a0-2)及び(a1)を有する共重合体である。

30

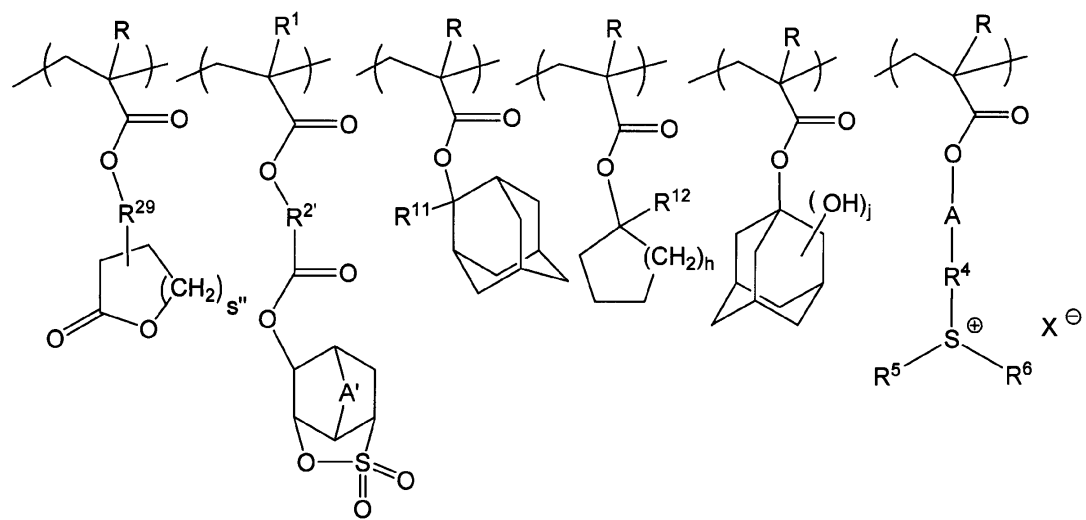
かかる共重合体としては、たとえば、構成単位(a0-1)、(a0-2)及び(a1)からなる共重合体；構成単位(a0-1)、(a0-2)、(a1)及び(a3)からなる共重合体；構成単位(a0-1)、(a0-2)、(a1)、(a2)及び(a3)からなる共重合体；構成単位(a0-1)、(a0-2)、(a1)及び(a2)からなる共重合体；構成単位(a0-1)、(a0-2)、(a1)及び(a4)からなる共重合体等が例示できる。

本発明において、(A1)成分としては、特に下記一般式(A1-11)～(A1-15)に示す構成単位の組み合わせを含むものが好ましい。以下の各式中、R、R²⁹、s¹、R¹、R²、A'、R¹¹、R¹²、h、j、A、R⁴、R⁵、R⁶、X⁻、R^{f1}、R^{f2}、M^{m+}、m、n、Wはそれぞれ前記と同じであり、式中に複数あるRは、同じであっても異なってもよい。

40

【0128】

【化 4 4】



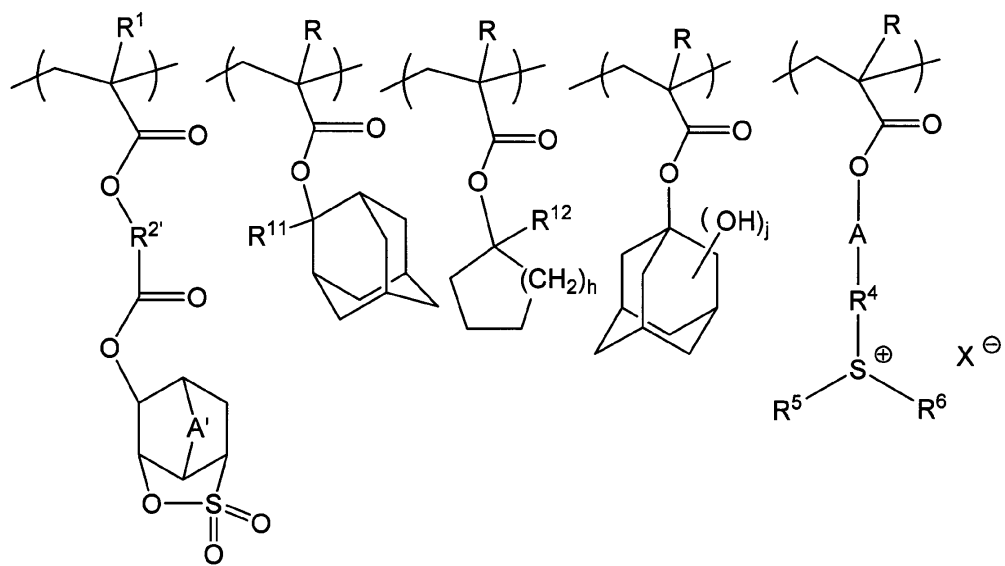
10

(A 1 - 1 1)

【 0 1 2 9】

【化 4 5】

20



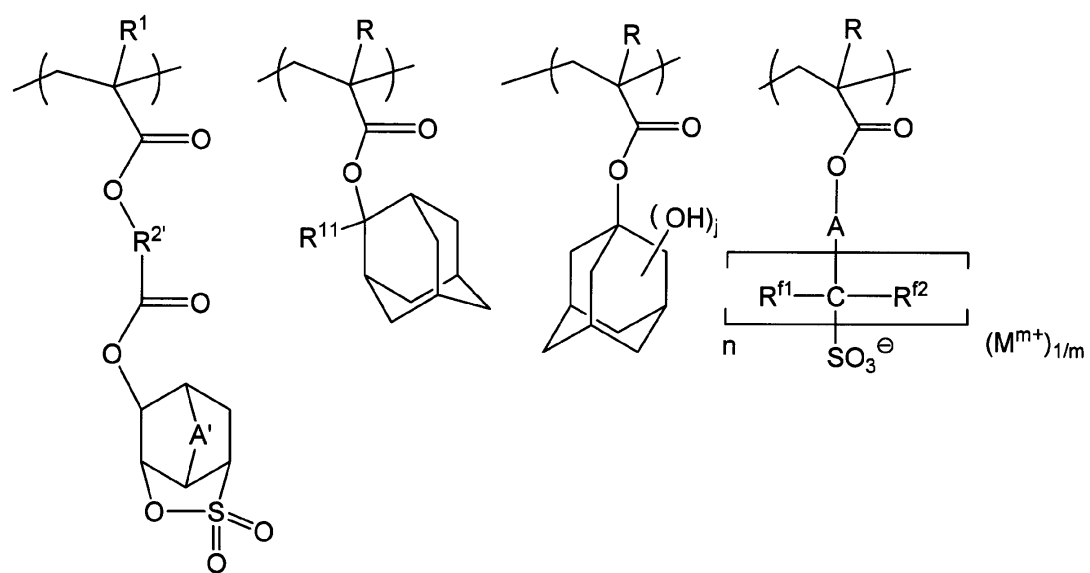
30

(A 1 - 1 2)

【 0 1 3 0】

40

【化 4 6】



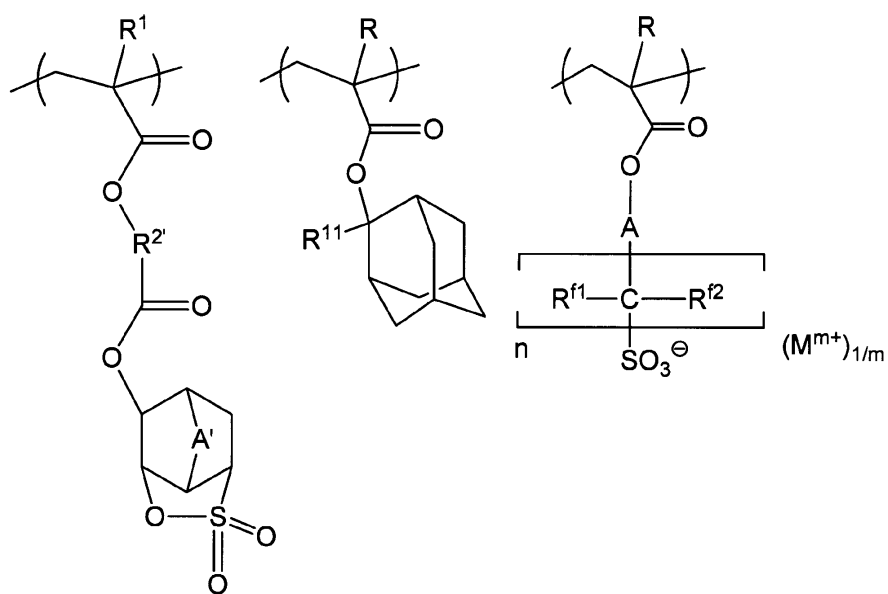
10

(A 1 - 1 3)

【 0 1 3 1 】

20

【化 4 7】



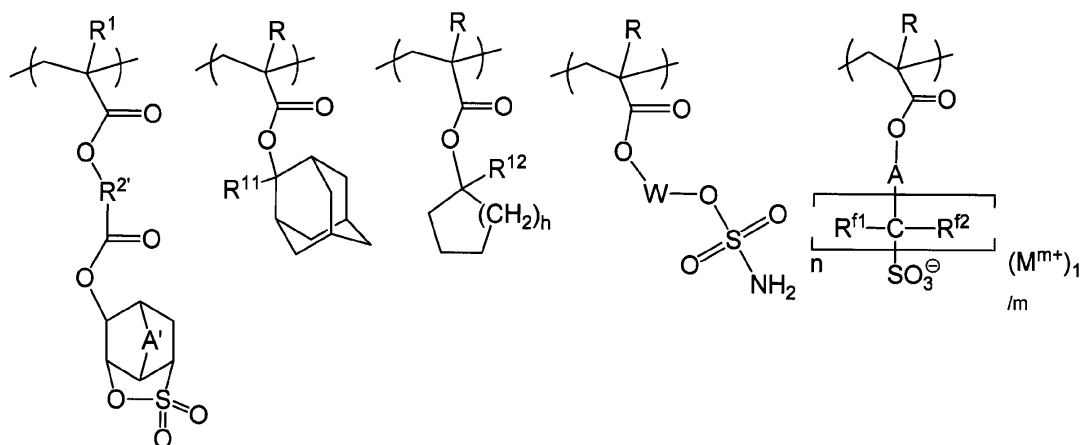
30

(A 1 - 1 4)

40

【 0 1 3 2 】

【化 4 8】



(A 1 - 1 5)

【0 1 3 3】

(A 1) 成分の質量平均分子量 (Mw) (ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算基準) は、特に限定されるものではなく、1000~50000が好ましく、1500~30000がより好ましく、2500~20000が最も好ましい。この範囲の上限値以下であると、レジストとして用いるのに十分なレジスト溶剤への溶解性があり、この範囲の下限値以上であると、耐ドライエッチング性やレジストパターン断面形状が良好である。

また、(A 1) 成分の分散度 (Mw/Mn) は、特に限定されるものではなく、1.0~5.0が好ましく、1.0~3.0がより好ましく、1.2~2.5が最も好ましい。なお、Mnは数平均分子量を示す。

【0 1 3 4】

(A 1) 成分は、各構成単位を誘導するモノマーを、例えばアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) のようなラジカル重合開始剤を用いた公知のラジカル重合等によって重合させることによって得ることができる。

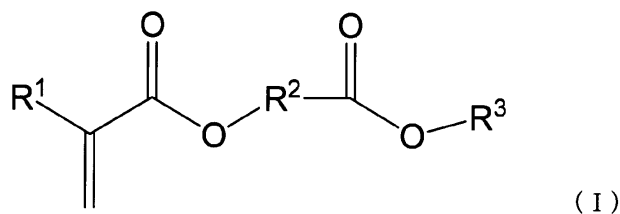
また、(A 1) 成分には、上記重合の際に、たとえば $\text{HS}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CF}_3)_2-\text{OH}$ のような連鎖移動剤を併用して用いることにより、末端に $-\text{C}(\text{CF}_3)_2-\text{OH}$ 基を導入してもよい。このように、アルキル基の水素原子の一部がフッ素原子で置換されたヒドロキシアルキル基が導入された共重合体は、現像欠陥の低減やLER (ラインエッジラフネス：ライン側壁の不均一な凹凸) の低減に有効である。

各構成単位を誘導するモノマーは、市販のものを用いてもよく、公知の方法を利用して合成してもよい。

たとえば構成単位 (a0-1) を誘導するモノマーとしては、下記一般式 (I) で表される化合物 (以下、化合物 (I) という。) が挙げられる。

【0 1 3 5】

【化 4 9】



(I)

10

20

30

40

50

[式 (I) 中、 $R^1 \sim R^3$ はそれぞれ前記と同じである。]

【0136】

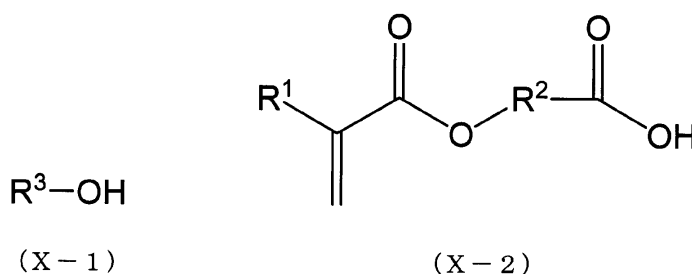
かかる化合物 (I) の製造方法は特に限定されず、公知の方法を利用して製造できる。たとえば、塩基の存在下、下記一般式 (X-1) で表される化合物 (X-1) が反応溶媒に溶解した溶液に、下記一般式 (X-2) で表される化合物 (X-2) を添加し、反応させることにより、上記化合物 (I) が得られる。

塩基としては、たとえば水素化ナトリウム、 K_2CO_3 、 Cs_2CO_3 等の無機塩基；トリエチルアミン、4-ジメチルアミノピリジン (DMA P)、ピリジン等の有機塩基等が挙げられる。縮合剤としては、例えばエチルジイソプロピルアミノカルボジイミド (EDCI) 塩酸塩、ジシクロヘキシルカルボキシイミド (DCC)、ジイソプロピルカルボジイミド、カルボジイミダゾール等のカルボジイミド試薬やテトラエチルピロホスフェイト、ベンゾトリアゾール-N-ヒドロキシトリスジメチルアミノホスホニウムヘキサフルオロリン化合物塩 (Bop 試薬) 等が挙げられる。

また、必要に応じて酸を用いてもよい。酸としては、脱水縮合等で通常用いられるものを使用することができ、具体的には塩酸、硫酸、リン酸等の無機酸類や、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸等の有機酸類が挙げられる。これらは単独で使用してもよいし、2種類以上を組み合わせ使用してもよい。

【0137】

【化50】



【0138】

上記のようにして得られる化合物の構造は、 1H -核磁気共鳴 (NMR) スペクトル法、 ^{13}C -NMR スペクトル法、 ^{19}F -NMR スペクトル法、赤外線吸収 (IR) スペクトル法、質量分析 (MS) 法、元素分析法、X線結晶回折法等の一般的な有機分析法により確認できる。

【0139】

(A') 成分において、(A1) 成分としては、1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用しても良い。

(A') 成分中の (A1) 成分の割合は、(A') 成分の総質量に対し、25質量%以上が好ましく、50質量%がより好ましく、75質量%がさらに好ましく、100質量%であってもよい。該割合が25質量%以上であると、リソグラフィー特性等の効果が向上する。

【0140】

[(A2) 成分]

(A2) 成分としては、分子量が500以上2500未満であって、上述の (A1) 成分の説明で例示したような酸解離性溶解抑制基と、親水性基とを有する低分子化合物が好ましい。具体的には、複数のフェノール骨格を有する化合物の水酸基の水素原子の一部が上記酸解離性溶解抑制基で置換されたものが挙げられる。

(A2) 成分は、たとえば、非化学増幅型の g 線や i 線レジストにおける増感剤や、耐

熱性向上剤として知られている低分子量フェノール化合物の水酸基の水素原子の一部を上記酸解離性溶解抑制基で置換したものが好ましく、そのようなものから任意に用いることができる。

かかる低分子量フェノール化合物としては、たとえば、ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（２，３，４－トリヒドロキシフェニル）メタン、２－（４－ヒドロキシフェニル）－２－（４’－ヒドロキシフェニル）プロパン、２－（２，３，４－トリヒドロキシフェニル）－２－（２’，３’，４’－トリヒドロキシフェニル）プロパン、トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－２－ヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒドロキシ－２，５－ジメチルフェニル）－２－ヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒドロキシ－２，５－ジメチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、ビス（３－シクロヘキシル－４－ヒドロキシ－６－メチルフェニル）－４－ヒドロキシフェニルメタン、ビス（３－シクロヘキシル－４－ヒドロキシ－６－メチルフェニル）－３，４－ジヒドロキシフェニルメタン、１－〔１－（４－ヒドロキシフェニル）イソプロピル〕－４－〔１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル〕ベンゼン、フェノール、ｍ－クレゾール、ｐ－クレゾールまたはキシレノールなどのフェノール類のホルマリン縮合物の２～６核体などが挙げられる。勿論これらに限定されるものではない。特に、トリフェニルメタン骨格を２～６個有するフェノール化合物が、解像性、ＬＷＲに優れることから好ましい。

酸解離性溶解抑制基も特に限定されず、上記したもののが挙げられる。

（Ａ２）成分は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。

【０１４１】

本発明のレジスト組成物において、（Ａ’）成分は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。

本発明のレジスト組成物中、（Ａ’）成分の含有量は、形成しようとするレジスト膜厚等に応じて調整すればよい。

【０１４２】

<任意成分・（Ｂ）成分>

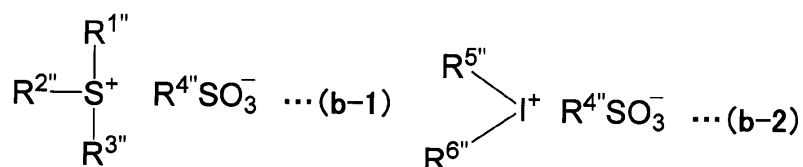
本発明のポジ型レジスト組成物は、さらに、放射線の照射により酸を発生する酸発生剤成分（Ｂ）（以下、（Ｂ）成分という。）を含有していてもよい。

本発明のポジ型レジスト組成物が（Ｂ）成分を含有する場合、（Ｂ）成分としては、特に限定されず、これまで化学増幅型レジスト用の酸発生剤として提案されているものを使用することができる。このような酸発生剤としては、これまで、ヨードニウム塩やスルホニウム塩などのオニウム塩系酸発生剤、オキシムスルホネート系酸発生剤、ビスアルキルまたはビスアリールスルホニルジアゾメタン類、ポリ（ビススルホニル）ジアゾメタン類などのジアゾメタン系酸発生剤、ニトロベンジルスルホネート系酸発生剤、イミノスルホネート系酸発生剤、ジスルホン系酸発生剤など多種のものが知られている。

オニウム塩系酸発生剤として、例えば下記一般式（ｂ－１）または（ｂ－２）で表される化合物を用いることができる。

【０１４３】

【化５１】



10

20

30

40

50

[式中、 $R^1 \sim R^3$ 、 $R^5 \sim R^6$ は、それぞれ独立に、アリール基またはアルキル基を表し；式（b-1）における $R^1 \sim R^3$ のうち、いずれか2つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成してもよく； R^4 は、置換基を有していても良いアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、またはアルケニル基を表し； $R^1 \sim R^3$ のうち少なくとも1つはアリール基を表し、 $R^5 \sim R^6$ のうち少なくとも1つはアリール基を表す。]

【0144】

式（b-1）中、 $R^1 \sim R^3$ はそれぞれ独立にアリール基またはアルキル基を表す。なお、式（b-1）における $R^1 \sim R^3$ のうち、いずれか2つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成してもよい。

また、 $R^1 \sim R^3$ のうち、少なくとも1つはアリール基を表す。 $R^1 \sim R^3$ のうち、2以上がアリール基であることが好ましく、 $R^1 \sim R^3$ のすべてがアリール基であることが最も好ましい。

【0145】

$R^1 \sim R^3$ のアリール基としては、特に制限はなく、例えば、炭素数6～20のアリール基であって、該アリール基は、その水素原子の一部または全部がアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基等で置換されていてもよく、されていなくてもよい。

アリール基としては、安価に合成可能なことから、炭素数6～10のアリール基が好ましい。具体的には、たとえばフェニル基、ナフチル基が挙げられる。

前記アリール基の水素原子が置換されていてもよいアルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、*n*-ブチル基、*tert*-ブチル基であることが最も好ましい。

前記アリール基の水素原子が置換されていてもよいアルコキシ基としては、炭素数1～5のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*iso*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基が最も好ましい。

前記アリール基の水素原子が置換されていてもよいハロゲン原子としては、フッ素原子が好ましい。

【0146】

$R^1 \sim R^3$ のアルキル基としては、特に制限はなく、例えば炭素数1～10の直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基等が挙げられる。解像性に優れる点から、炭素数1～5であることが好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*n*-ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ノニル基、デシル基等が挙げられ、解像性に優れ、また安価に合成可能なことから好ましいものとして、メチル基を挙げることができる。

【0147】

式（b-1）における $R^1 \sim R^3$ のうち、いずれか2つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成する場合、イオウ原子を含めて3～10員環を形成していることが好ましく、5～7員環を形成していることが特に好ましい。

式（b-1）における $R^1 \sim R^3$ のうち、いずれか2つが相互に結合して式中のイオウ原子と共に環を形成する場合、残りの1つは、アリール基であることが好ましい。前記アリール基は、前記 $R^1 \sim R^3$ のアリール基と同様のものが挙げられる。

【0148】

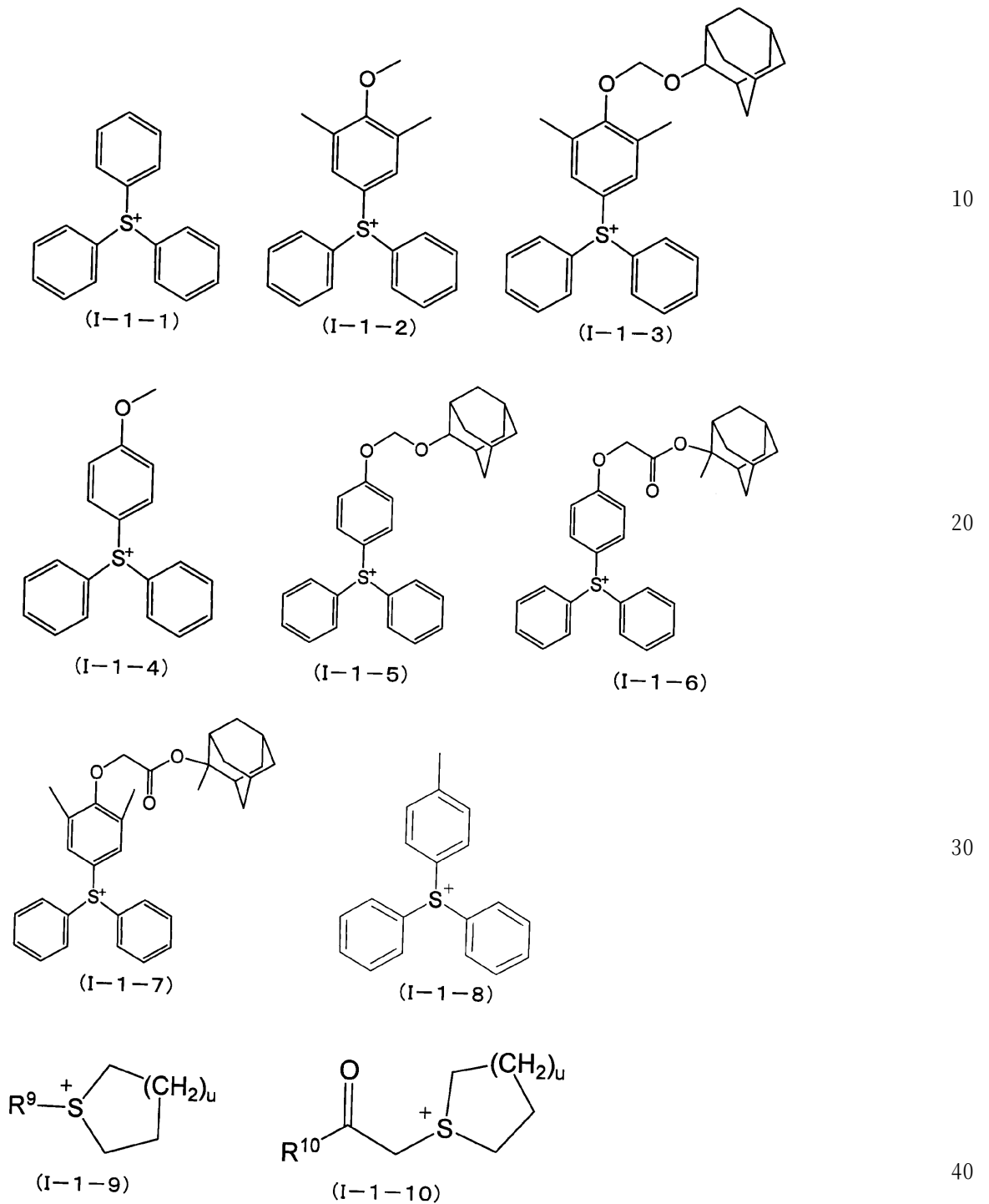
式（b-1）で表される化合物のカチオン部として、好ましいものとしては、下記式（I-1-1）～（I-1-10）で表されるカチオン部が挙げられる。これらの中でも、式（I-1-1）～（I-1-8）で表されるカチオン部等の、トリフェニルメタン骨格を有するものが好ましい。

下記式（I-1-9）～（I-1-10）中、 R^9 、 R^{10} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基または炭素数1～5のアルキル基、アルコキシ基、水酸基である。

u は 1 ～ 3 の整数であり、1 または 2 が最も好ましい。

【0149】

【化52】



【0150】

R⁴ は、置換基を有していても良いアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、またはアルケニル基を表す。

R⁴ におけるアルキル基は、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであっても良い。

前記直鎖状または分岐鎖状のアルキル基としては、炭素数 1 ～ 10 であることが好ましく、炭素数 1 ～ 8 であることがさらに好ましく、炭素数 1 ～ 4 であることが最も好ましい。

前記環状のアルキル基としては、炭素数 4 ～ 15 であることが好ましく、炭素数 4 ～ 1

10

20

30

40

50

0であることがさらに好ましく、炭素数6～10であることが最も好ましい。

R⁴”におけるハロゲン化アルキル基としては、前記直鎖状、分岐鎖状若しくは環状のアルキル基の水素原子の一部または全部がハロゲン原子で置換された基が挙げられる。該ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。

ハロゲン化アルキル基においては、当該ハロゲン化アルキル基に含まれるハロゲン原子および水素原子の合計数に対するハロゲン原子の数の割合（ハロゲン化率（％））が、10～100％であることが好ましく、50～100％であることが好ましく、100％が最も好ましい。該ハロゲン化率が高いほど、酸の強度が強くなるので好ましい。

前記R⁴”におけるアリール基は、炭素数6～20のアリール基であることが好ましい。

10

前記R⁴”におけるアルケニル基は、炭素数2～10のアルケニル基であることが好ましい。

前記R⁴”において、「置換基を有していても良い」とは、前記直鎖状、分岐鎖状若しくは環状のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、またはアルケニル基における水素原子の一部または全部が置換基（水素原子以外の他の原子または基）で置換されていても良いことを意味する。

R⁴”における置換基の数は1つであってもよく、2つ以上であってもよい。

【0151】

前記置換基としては、例えば、ハロゲン原子、ヘテロ原子、アルキル基、式：X—Q¹—〔式中、Q¹は酸素原子を含む2価の連結基であり、Xは置換基を有していてもよい炭素数3～30の炭化水素基である。〕で表される基等が挙げられる。

20

前記ハロゲン原子、アルキル基としては、R⁴”において、ハロゲン化アルキル基におけるハロゲン原子、アルキル基として挙げたもの同様のものが挙げられる。

前記ヘテロ原子としては、酸素原子、窒素原子、硫黄原子等が挙げられる。

【0152】

X—Q¹—で表される基において、Q¹は酸素原子を含む2価の連結基である。

Q¹は、酸素原子以外の原子を含有してもよい。酸素原子以外の原子としては、たとえば炭素原子、水素原子、酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙げられる。

酸素原子を含む2価の連結基としては、たとえば、酸素原子（エーテル結合；—O—）、エステル結合（—C(=O)—O—）、アミド結合（—C(=O)—NH—）、カルボニル基（—C(=O)—）、カーボネート結合（—O—C(=O)—O—）等の非炭化水素系の酸素原子含有連結基；該非炭化水素系の酸素原子含有連結基とアルキレン基との組み合わせ等が挙げられる。

30

該組み合わせとしては、たとえば、—R^{9 1}—O—、—R^{9 2}—O—C(=O)—、—C(=O)—O—R^{9 3}—O—C(=O)—（式中、R^{9 1}～R^{9 3}はそれぞれ独立にアルキレン基である。）等が挙げられる。

R^{9 1}～R^{9 3}におけるアルキレン基としては、直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基が好ましく、該アルキレン基の炭素数は、1～12が好ましく、1～5がより好ましく、1～3が特に好ましい。

40

該アルキレン基として、具体的には、たとえばメチレン基〔—CH₂—〕；—CH(CH₃)—、—CH(CH₂CH₃)—、—C(CH₃)₂—、—C(CH₃)(CH₂CH₃)—、—C(CH₃)(CH₂CH₂CH₃)—、—C(CH₂CH₃)₂—等のアルキルメチレン基；エチレン基〔—CH₂CH₂—〕；—CH(CH₃)CH₂—、—CH(CH₃)CH(CH₃)—、—C(CH₃)₂CH₂—、—CH(CH₂CH₃)CH₂—等のアルキルエチレン基；トリメチレン基（n-プロピレン基）〔—CH₂CH₂CH₂—〕；—CH(CH₃)CH₂CH₂—、—CH₂CH(CH₃)CH₂—等のアルキルトリメチレン基；テトラメチレン基〔—CH₂CH₂CH₂CH₂—〕；—CH(CH₃)CH₂CH₂CH₂—、—CH₂CH(CH₃)CH₂CH₂—等のアルキルテトラメチレン基；ペンタメチレン基〔—CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂—〕等が挙げら

50

れる。

Q^1 としては、エステル結合またはエーテル結合を含む2価の連結基が好ましく、なかでも、 $-R^{91}-O-$ 、 $-R^{92}-O-C(=O)-$ または $-C(=O)-O-R^{93}-O-C(=O)-$ が好ましい。

【0153】

$X-Q^1$ で表される基において、 X の炭化水素基は、芳香族炭化水素基であってもよく、脂肪族炭化水素基であってもよい。

芳香族炭化水素基は、芳香環を有する炭化水素基である。該芳香族炭化水素基の炭素数は3～30であることが好ましく、5～30であることがより好ましく、5～20がさらに好ましく、6～15が特に好ましく、6～12が最も好ましい。ただし、該炭素数には置換基における炭素数を含まないものとする。

芳香族炭化水素基として、具体的には、フェニル基、ビフェニル(biphenyl)基、フルオレニル(fluorenyl)基、ナフチル基、アントリル(anthryl)基、フェナントリル基等の、芳香族炭化水素環から水素原子を1つ除いたアリール基、ベンジル基、フェネチル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、1-ナフチルエチル基、2-ナフチルエチル基等のアリールアルキル基等が挙げられる。前記アリールアルキル基中のアルキル鎖の炭素数は、1～4であることが好ましく、1～2であることがより好ましく、1であることが特に好ましい。

該芳香族炭化水素基は、置換基を有していてもよい。たとえば当該芳香族炭化水素基が有する芳香環を構成する炭素原子の一部がヘテロ原子で置換されていてもよく、当該芳香族炭化水素基が有する芳香環に結合した水素原子が置換基で置換されていてもよい。

前者の例としては、前記アリール基の環を構成する炭素原子の一部が酸素原子、硫黄原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換されたヘテロアリール基、前記アリールアルキル基中の芳香族炭化水素環を構成する炭素原子の一部が前記ヘテロ原子で置換されたヘテロアリールアルキル基等が挙げられる。

後者の例における芳香族炭化水素基の置換基としては、たとえば、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、酸素原子($=O$)等が挙げられる。

前記芳香族炭化水素基の置換基としてのアルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、 n -ブチル基、 $tert$ -ブチル基であることが最も好ましい。

前記芳香族炭化水素基の置換基としてのアルコキシ基としては、炭素数1～5のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、 n -プロポキシ基、 iso -プロポキシ基、 n -ブトキシ基、 $tert$ -ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基が最も好ましい。

前記芳香族炭化水素基の置換基としてのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。

前記芳香族炭化水素基の置換基としてのハロゲン化アルキル基としては、前記アルキル基の水素原子の一部または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。

【0154】

X における脂肪族炭化水素基は、飽和脂肪族炭化水素基であってもよく、不飽和脂肪族炭化水素基であってもよい。また、脂肪族炭化水素基は、直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。

X において、脂肪族炭化水素基は、当該脂肪族炭化水素基を構成する炭素原子の一部がヘテロ原子を含む置換基で置換されていてもよく、当該脂肪族炭化水素基を構成する水素原子の一部または全部がヘテロ原子を含む置換基で置換されていてもよい。

X における「ヘテロ原子」としては、炭素原子および水素原子以外の原子であれば特に限定されず、たとえばハロゲン原子、酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙げられる。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、ヨウ素原子、臭素原子等が挙げられる。

ヘテロ原子を含む置換基は、前記ヘテロ原子のみからなるものであってもよく、前記ヘ

10

20

30

40

50

テロ原子以外の基または原子を含む基であってもよい。

炭素原子の一部を置換する置換基として、具体的には、たとえば $-O-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-C(=O)-O-C(=O)-O-$ 、 $-C(=O)-NH-$ 、 $-NH-$ (Hがアルキル基、アシル基等の置換基で置換されていてもよい)、 $-S-$ 、 $-S(=O)_2-$ 、 $-S(=O)_2-O-$ 等が挙げられる。脂肪族炭化水素基が環状である場合、これらの置換基を環構造中に含んでいてもよい。

水素原子の一部または全部を置換する置換基として、具体的には、たとえばアルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、酸素原子 ($=O$)、シアノ基等が挙げられる。

前記アルコキシ基としては、炭素数1～5のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*i*s*o*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*t*er*t*-ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基が最も好ましい。

前記ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子が好ましい。

前記ハロゲン化アルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基、たとえばメチル基、エチル基、プロピル基、*n*-ブチル基、*t*er*t*-ブチル基等のアルキル基の水素原子の一部または全部が前記ハロゲン原子で置換された基が挙げられる。

【0155】

脂肪族炭化水素基としては、直鎖状もしくは分岐鎖状の飽和炭化水素基、直鎖状もしくは分岐鎖状の1価の不飽和炭化水素基、または環状の脂肪族炭化水素基（脂肪族環式基）が好ましい。

直鎖状の飽和炭化水素基（アルキル基）としては、炭素数が1～20であることが好ましく、1～15であることがより好ましく、1～10が最も好ましい。具体的には、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、イソトリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、イソヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基等が挙げられる。

分岐鎖状の飽和炭化水素基（アルキル基）としては、炭素数が3～20であることが好ましく、3～15であることがより好ましく、3～10が最も好ましい。具体的には、例えば、1-メチルエチル基、1-メチルプロピル基、2-メチルプロピル基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、3-メチルブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチル基などが挙げられる。

【0156】

不飽和炭化水素基としては、炭素数が2～10であることが好ましく、2～5が好ましく、2～4が好ましく、3が特に好ましい。直鎖状の1価の不飽和炭化水素基としては、例えば、ビニル基、プロペニル基（アリル基）、ブチニル基などが挙げられる。分岐鎖状の1価の不飽和炭化水素基としては、例えば、1-メチルプロペニル基、2-メチルプロペニル基などが挙げられる。

不飽和炭化水素基としては、上記の中でも、特にプロペニル基が好ましい。

【0157】

脂肪族環式基としては、単環式基であってもよく、多環式基であってもよい。その炭素数は3～30であることが好ましく、5～30であることがより好ましく、5～20がさらに好ましく、6～15が特に好ましく、6～12が最も好ましい。

具体的には、たとえば、モノシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基；ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどのポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。より具体的には、シクロペンタン、シクロヘキサン等のモノシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基；アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリ

10

20

30

40

50

シクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基などが挙げられる。

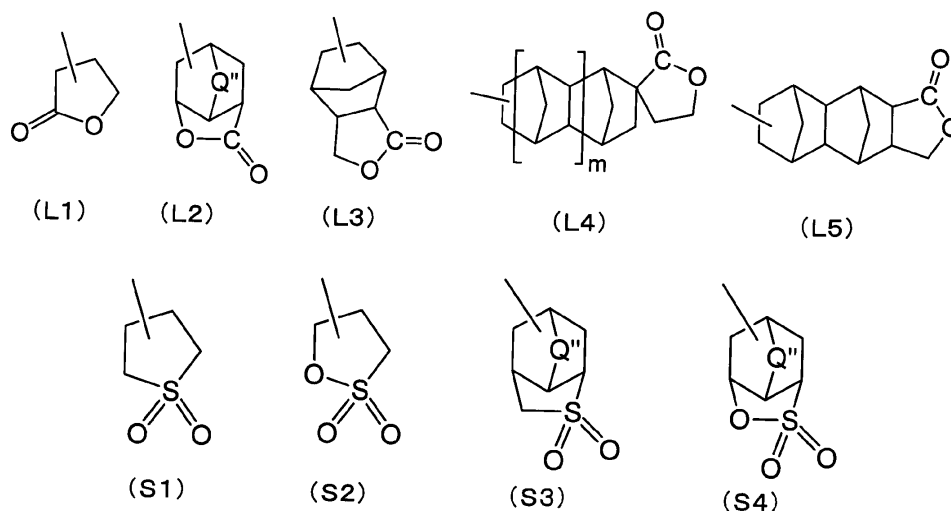
脂肪族環式基が、その環構造中にヘテロ原子を含む置換基を含まない場合は、脂肪族環式基としては、多環式基が好ましく、ポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基が好ましく、アダマンタンから1個以上の水素原子を除いた基が最も好ましい。

脂肪族環式基が、その環構造中にヘテロ原子を含む置換基を含むものである場合、該ヘテロ原子を含む置換基としては、 $-O-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-S-$ 、 $-S(=O)_2-$ 、 $-S(=O)_2-O-$ が好ましい。かかる脂肪族環式基の具体例としては、たとえば下記式(L1)～(L5)、(S1)～(S4)等が挙げられる。

【0158】

【化53】

10



20

[式中、 Q'' は炭素数1～5のアルキレン基、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-O-R^{94}-$ または $-S-R^{95}-$ であり、 R^{94} および R^{95} はそれぞれ独立に炭素数1～5のアルキレン基であり、 m は0または1の整数である。]

【0159】

30

式中、 Q'' 、 R^{94} および R^{95} におけるアルキレン基としては、それぞれ、前記 $R^1 \sim R^3$ におけるアルキレン基と同様のものが挙げられる。

これらの脂肪族環式基は、その環構造を構成する炭素原子に結合した水素原子の一部が置換基で置換されていてもよい。該置換基としては、たとえばアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、水酸基、酸素原子($=O$)等が挙げられる。

前記アルキル基としては、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、*n*-ブチル基、*tert*-ブチル基であることが特に好ましい。

前記アルコキシ基、ハロゲン原子はそれぞれ前記水素原子の一部または全部を置換する置換基として挙げたものと同様のものが挙げられる。

【0160】

40

本発明において、 X は、置換基を有していてもよい環式基であることが好ましい。該環式基は、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基であってもよく、置換基を有していてもよい脂肪族環式基であってもよく、置換基を有していてもよい脂肪族環式基であることが好ましい。

前記芳香族炭化水素基としては、置換基を有していてもよいナフチル基、または置換基を有していてもよいフェニル基が好ましい。

置換基を有していてもよい脂肪族環式基としては、置換基を有していてもよい多環式の脂肪族環式基が好ましい。該多環式の脂肪族環式基としては、前記ポリシクロアルカンから1個以上の水素原子を除いた基、前記(L2)～(L5)、(S3)～(S4)等が好ましい。

50

【0161】

本発明において、 R^4 は、置換基として $X-Q^1-$ を有することが好ましい。この場合、 R^4 としては、 $X-Q^1-Y^1-$ [式中、 Q^1 および X は前記と同じであり、 Y^1 は置換基を有していてもよい炭素数1～4のアルキレン基または置換基を有していてもよい炭素数1～4のフッ素化アルキレン基である。] で表される基が好ましい。

$X-Q^1-Y^1-$ で表される基において、 Y^1 のアルキレン基としては、前記 Q^1 で挙げたアルキレン基のうち炭素数1～4のものと同様のものが挙げられる。

フッ素化アルキレン基としては、該アルキレン基の水素原子の一部または全部がフッ素原子で置換された基が挙げられる。

Y^1 として、具体的には、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF_2-$ 、 $-CF(CF_2CF_3)-$ 、 $-C(CF_3)_2-$ 、 $-CF_2CF_2CF_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF(CF_3)CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF(CF_3)-$ 、 $-C(CF_3)_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_2CF_3)CF_2-$ 、 $-CF(CF_2CF_2CF_3)-$ 、 $-C(CF_3)(CF_2CF_3)-$ ； $-CHF-$ 、 $-CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CF_2CF_2-$ 、 $-CH(CF_3)CH_2-$ 、 $-CH(CF_2CF_3)-$ 、 $-C(CH_3)(CF_3)-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CH_2CF_2CF_2-$ 、 $-CH(CF_3)CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH(CF_3)CH_2-$ 、 $-CH(CF_3)CH(CF_3)-$ 、 $-C(CF_3)_2CH_2-$ ； $-CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH(CH_3)CH_2-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH(CH_3)CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH(CH_3)CH_2-$ 、 $-CH(CH_3)CH(CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)_2CH_2-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)CH_2-$ 、 $-CH(CH_2CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)(CH_2CH_3)-$ 等が挙げられる。

【0162】

Y^1 としては、フッ素化アルキレン基が好ましく、特に、隣接する硫黄原子に結合する炭素原子がフッ素化されているフッ素化アルキレン基が好ましい。このようなフッ素化アルキレン基としては、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2CF_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF(CF_3)CF_2-$ 、 $-CF(CF_3)CF(CF_3)-$ 、 $-C(CF_3)_2CF_2-$ 、 $-CF(CF_2CF_3)CF_2-$ ； $-CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CF_2CF_2-$ ； $-CH_2CH_2CH_2CF_2-$ 、 $-CH_2CH_2CF_2CF_2-$ 、 $-CH_2CF_2CF_2CF_2-$ 等を挙げることができる。

これらの中でも、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2CF_2-$ 、又は $CH_2CF_2CF_2-$ が好ましく、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 又は $-CF_2CF_2CF_2-$ がより好ましく、 $-CF_2-$ が特に好ましい。

【0163】

前記アルキレン基またはフッ素化アルキレン基は、置換基を有していてもよい。アルキレン基またはフッ素化アルキレン基が「置換基を有する」とは、当該アルキレン基またはフッ素化アルキレン基における水素原子またはフッ素原子の一部または全部が、水素原子およびフッ素原子以外の原子または基で置換されていることを意味する。

アルキレン基またはフッ素化アルキレン基が有していてもよい置換基としては、炭素数1～4のアルキル基、炭素数1～4のアルコキシ基、水酸基等が挙げられる。

【0164】

式 (b-2) 中、 R^5 ～ R^6 はそれぞれ独立にアリール基またはアルキル基を表す。 R^5 ～ R^6 のうち、少なくとも1つはアリール基を表す。 R^5 ～ R^6 のすべてがアリール基であることが好ましい。

R^5 ～ R^6 のアリール基としては、 R^1 ～ R^3 のアリール基と同様のものが挙げられる。

R^5 ～ R^6 のアルキル基としては、 R^1 ～ R^3 のアルキル基と同様のものが挙

10

20

30

40

50

げられる。

これらの中で、 R^5 ～ R^6 はすべてフェニル基であることが最も好ましい。

式 (b-2) 中の R^4 としては上記式 (b-1) の R^4 と同様のものが挙げられる。

【0165】

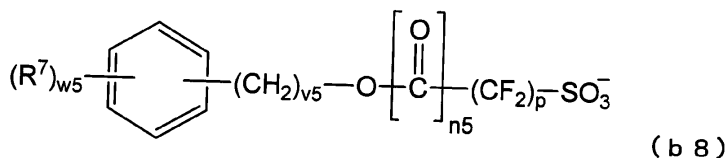
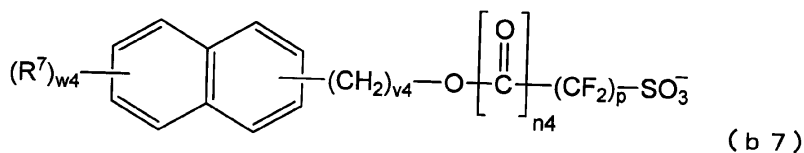
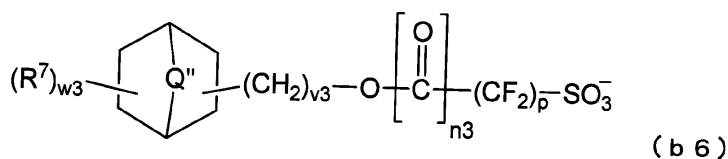
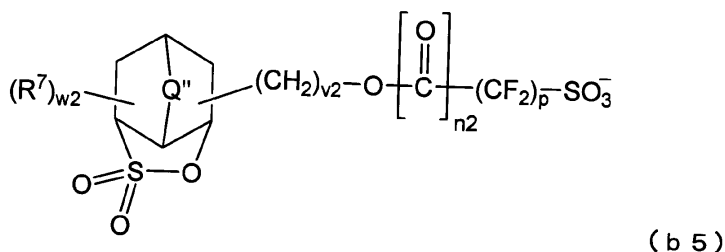
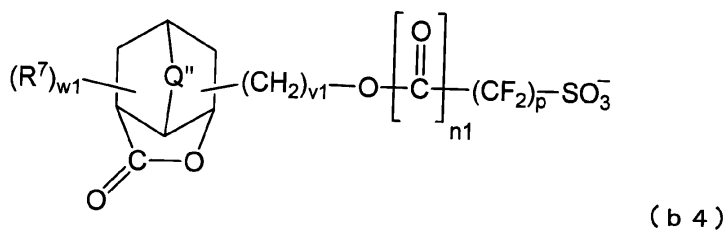
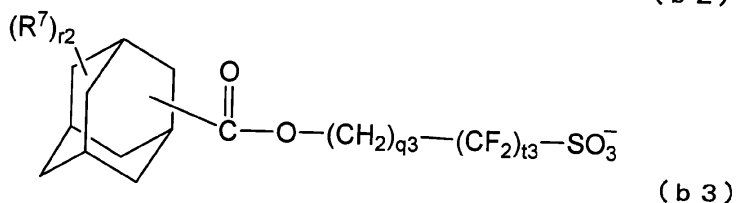
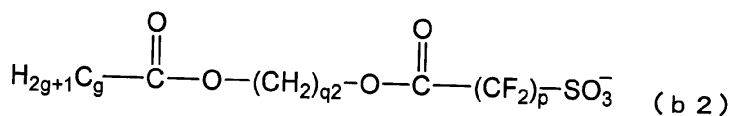
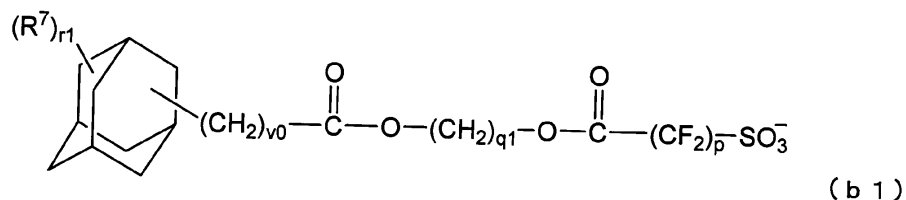
式 (b-1)、(b-2) で表されるオニウム塩系酸発生剤の具体例としては、ジフェニルヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネートまたはノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネートまたはノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、トリ(4-メチルフェニル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジメチル(4-ヒドロキシナフチル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、モノフェニルジメチルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；ジフェニルモノメチルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、(4-メチルフェニル)ジフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、(4-メトキシフェニル)ジフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、トリ(4-tert-ブチル)フェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジフェニル(1-(4-メトキシ)ナフチル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジ(1-ナフチル)フェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-フェニルテトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-メチルフェニル)テトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-メトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-エトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-フェニルテトラヒドロチオピラニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオピラニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオピラニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート；1-(4-メチルフェニル)テトラヒドロチオピラニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート等が挙げられる。

また、これらのオニウム塩のアニオン部をメタンスルホネート、*n*-プロパンスルホネート、*n*-ブタンスルホネート、*n*-オクタンスルホネート、1-アダマンタンスルホネート、2-ノルボルナンスルホネート、*d*-カンファー-10-スルホネート等のアルキルスルホネート；ベンゼンスルホネート、パーフルオロベンゼンスルホネート、*p*-トルエンスルホネート等の芳香族スルホネートに置き換えたオニウム塩も用いることができる。

また、これらのオニウム塩のアニオン部を下記式 (b1) ~ (b8) のいずれかで表されるアニオン部に置き換えたオニウム塩も用いることができる。

【0166】

【化 5 4】



〔式中、pは1～3の整数であり、q₁～q₂はそれぞれ独立に1～5の整数であり、q₃は1～12の整数であり、t₃は1～3の整数であり、r₁～r₂はそれぞれ独立に0～3の整数であり、gは1～20の整数であり、R⁷は置換基であり、n₁～n₅はそれぞれ独立に0または1であり、v₀～v₅はそれぞれ独立に0～3の整数であり、w₁～w₅はそれぞれ独立に0～3の整数であり、Q''は前記と同じである。〕

【0167】

R⁷の置換基としては、前記Xにおいて、脂肪族炭化水素基が有していてもよい置換基

10

20

30

40

50

、芳香族炭化水素基が有していてもよい置換基として挙げたものと同様のものが挙げられる。

R^7 に付された符号 ($r_1 \sim r_2$ 、 $w_1 \sim w_5$) が 2 以上の整数である場合、当該化合物中の複数の R^7 はそれぞれ同じであってもよく、異なってもよい。

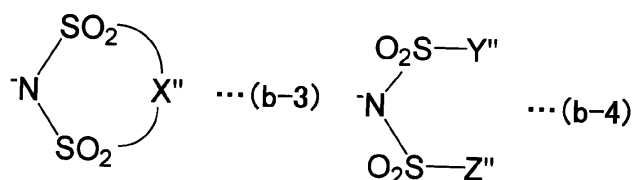
【0168】

また、オニウム塩系酸発生剤としては、前記一般式 (b-1) 又は (b-2) において、アニオン部を下記一般式 (b-3) 又は (b-4) で表されるアニオン部に置き換えたオニウム塩系酸発生剤も用いることができる (カチオン部は (b-1) 又は (b-2) と同様)。

【0169】

10

【化55】



[式中、 X'' は、少なくとも 1 つの水素原子がフッ素原子で置換された炭素数 2～6 のアルキレン基を表し； Y'' 、 Z'' は、それぞれ独立に、少なくとも 1 つの水素原子がフッ素原子で置換された炭素数 1～10 のアルキル基を表す。]

20

【0170】

X'' は、少なくとも 1 つの水素原子がフッ素原子で置換された直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基であり、該アルキレン基の炭素数は 2～6 であり、好ましくは炭素数 3～5、最も好ましくは炭素数 3 である。

Y'' 、 Z'' は、それぞれ独立に、少なくとも 1 つの水素原子がフッ素原子で置換された直鎖状または分岐鎖状のアルキル基であり、該アルキル基の炭素数は 1～10 であり、好ましくは炭素数 1～7、より好ましくは炭素数 1～3 である。

X'' のアルキレン基の炭素数または Y'' 、 Z'' のアルキル基の炭素数は、上記炭素数の範囲内において、レジスト溶媒への溶解性も良好である等の理由により、小さいほど好ましい。

30

また、 X'' のアルキレン基または Y'' 、 Z'' のアルキル基において、フッ素原子で置換されている水素原子の数が多いほど、酸の強度が強くなり、また 200 nm 以下の高エネルギー光や電子線に対する透明性が向上するので好ましい。該アルキレン基またはアルキル基中のフッ素原子の割合、すなわちフッ素化率は、好ましくは 70～100%、さらに好ましくは 90～100% であり、最も好ましくは、全ての水素原子がフッ素原子で置換されたパーフルオロアルキレン基またはパーフルオロアルキル基である。

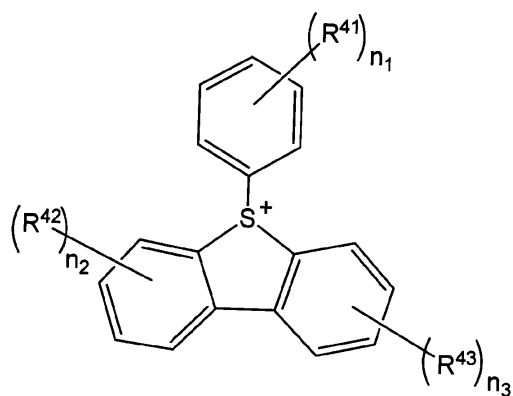
【0171】

また、下記一般式 (b-5) または (b-6) で表されるカチオン部を有するスルホニウム塩をオニウム塩系酸発生剤として用いることもできる。

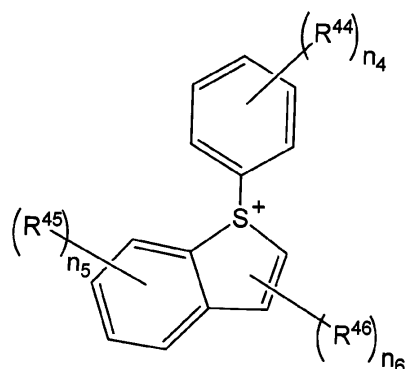
40

【0172】

【化 5 6】



(b-5)



(b-6)

[式中、 $R^{41} \sim R^{46}$ はそれぞれ独立してアルキル基、アセチル基、アルコキシ基、カルボキシ基、水酸基またはヒドロキシアルキル基であり； $n_1 \sim n_5$ はそれぞれ独立して0～3の整数であり、 n_6 は0～2の整数である。]

【0173】

$R^{41} \sim R^{46}$ において、アルキル基は、炭素数1～5のアルキル基が好ましく、なかでも直鎖または分岐鎖状のアルキル基がより好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、又はtert-ブチル基であることが特に好ましい。

アルコキシ基は、炭素数1～5のアルコキシ基が好ましく、なかでも直鎖または分岐鎖状のアルコキシ基がより好ましく、メトキシ基、エトキシ基が特に好ましい。

ヒドロキシアルキル基は、上記アルキル基中の一個又は複数個の水素原子がヒドロキシ基に置換した基が好ましく、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基等が挙げられる。

$R^{41} \sim R^{46}$ に付された符号 $n_1 \sim n_6$ が2以上の整数である場合、複数の $R^{41} \sim R^{46}$ はそれぞれ同じであってもよく、異なってもよい。

n_1 は、好ましくは0～2であり、より好ましくは0又は1であり、さらに好ましくは0である。

n_2 および n_3 は、好ましくはそれぞれ独立して0又は1であり、より好ましくは0である。

n_4 は、好ましくは0～2であり、より好ましくは0又は1である。

n_5 は、好ましくは0又は1であり、より好ましくは0である。

n_6 は、好ましくは0又は1であり、より好ましくは1である。

【0174】

式 (b-5) または (b-6) で表されるカチオン部を有するスルホニウム塩のアニオン部は、特に限定されず、これまで提案されているオニウム塩系酸発生剤のアニオン部と同様のものであってよい。かかるアニオン部としては、たとえば上記一般式 (b-1) または (b-2) で表されるオニウム塩系酸発生剤のアニオン部 ($R^{4-}SO_3^-$) 等のフッ素化アルキルスルホン酸イオン；上記一般式 (b-3) 又は (b-4) で表されるアニオン部等が挙げられる。

【0175】

本明細書において、オキシムスルホネート系酸発生剤とは、下記一般式 (B-1) で表される基を少なくとも1つ有する化合物であって、放射線の照射によって酸を発生する特性を有するものである。この様なオキシムスルホネート系酸発生剤は、化学増幅型レジスト組成物用として多用されているので、任意に選択して用いることができる。

【0176】

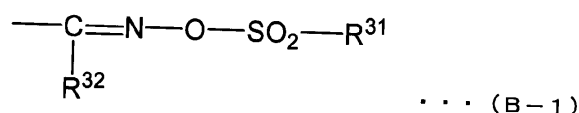
10

20

30

40

【化 5 7】



[式 (B-1) 中、 R^{31} 、 R^{32} はそれぞれ独立に有機基を表す。]

【0177】

R^{31} 、 R^{32} の有機基は、炭素原子を含む基であり、炭素原子以外の原子（たとえば水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子等）等）を有していてもよい。

10

R^{31} の有機基としては、直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基またはアリール基が好ましい。これらのアルキル基、アリール基は置換基を有していても良い。該置換基としては、特に制限はなく、たとえばフッ素原子、炭素数 1～6 の直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基等が挙げられる。ここで、「置換基を有する」とは、アルキル基またはアリール基の水素原子の一部または全部が置換基で置換されていることを意味する。

アルキル基としては、炭素数 1～20 が好ましく、炭素数 1～10 がより好ましく、炭素数 1～8 がさらに好ましく、炭素数 1～6 が特に好ましく、炭素数 1～4 が最も好ましい。アルキル基としては、特に、部分的または完全にハロゲン化されたアルキル基（以下、ハロゲン化アルキル基ということがある）が好ましい。なお、部分的にハロゲン化されたアルキル基とは、水素原子の一部がハロゲン原子で置換されたアルキル基を意味し、完全にハロゲン化されたアルキル基とは、水素原子の全部がハロゲン原子で置換されたアルキル基を意味する。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、特にフッ素原子が好ましい。すなわち、ハロゲン化アルキル基は、フッ素化アルキル基であることが好ましい。

20

アリール基は、炭素数 4～20 が好ましく、炭素数 4～10 がより好ましく、炭素数 6～10 が最も好ましい。アリール基としては、特に、部分的または完全にハロゲン化されたアリール基が好ましい。なお、部分的にハロゲン化されたアリール基とは、水素原子の一部がハロゲン原子で置換されたアリール基を意味し、完全にハロゲン化されたアリール基とは、水素原子の全部がハロゲン原子で置換されたアリール基を意味する。

30

R^{31} としては、特に、置換基を有さない炭素数 1～4 のアルキル基、または炭素数 1～4 のフッ素化アルキル基が好ましい。

R^{32} の有機基としては、直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基、アリール基またはシアノ基が好ましい。 R^{32} のアルキル基、アリール基としては、前記 R^{31} で挙げたアルキル基、アリール基と同様のものが挙げられる。

R^{32} としては、特に、シアノ基、置換基を有さない炭素数 1～8 のアルキル基、または炭素数 1～8 のフッ素化アルキル基が好ましい。

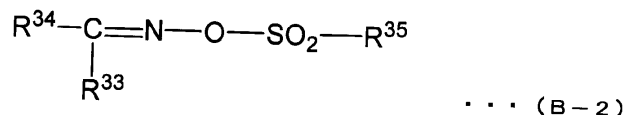
【0178】

オキシムスルホネート系酸発生剤として、さらに好ましいものとしては、下記一般式 (B-2) または (B-3) で表される化合物が挙げられる。

40

【0179】

【化 5 8】

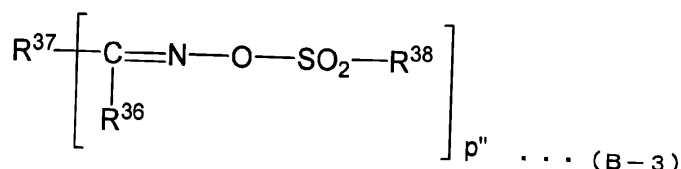


[式 (B-2) 中、 R^{33} は、シアノ基、置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基である。 R^{34} はアリール基である。 R^{35} は置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基である。]

50

【0180】

【化59】



〔式（B-3）中、 R^{36} はシアノ基、置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基である。 R^{37} は2または3個の芳香族炭化水素基である。 R^{38} は置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基である。 p'' は2または3である。〕

10

【0181】

前記一般式（B-2）において、 R^{33} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基は、炭素数が1～10であることが好ましく、炭素数1～8がより好ましく、炭素数1～6が最も好ましい。

R^{33} としては、ハロゲン化アルキル基が好ましく、フッ素化アルキル基がより好ましい。

R^{33} におけるフッ素化アルキル基は、アルキル基の水素原子が50%以上フッ素化されていることが好ましく、70%以上フッ素化されていることがより好ましく、90%以上フッ素化されていることが特に好ましい。

20

R^{34} のアリール基としては、フェニル基、ビフェニル（biphenyl）基、フルオレニル（fluorenyl）基、ナフチル基、アントリル（anthryl）基、フェナントリル基等の、芳香族炭化水素の環から水素原子を1つ除いた基、およびこれらの基の環を構成する炭素原子の一部が酸素原子、硫黄原子、窒素原子等のヘテロ原子で置換されたヘテロアリール基等が挙げられる。これらのなかでも、フルオレニル基が好ましい。

R^{34} のアリール基は、炭素数1～10のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基等の置換基を有していても良い。該置換基におけるアルキル基またはハロゲン化アルキル基は、炭素数が1～8であることが好ましく、炭素数1～4がさらに好ましい。また、該ハロゲン化アルキル基は、フッ素化アルキル基であることが好ましい。

30

R^{35} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基は、炭素数が1～10であることが好ましく、炭素数1～8がより好ましく、炭素数1～6が最も好ましい。

R^{35} としては、ハロゲン化アルキル基が好ましく、フッ素化アルキル基がより好ましい。

R^{35} におけるフッ素化アルキル基は、アルキル基の水素原子が50%以上フッ素化されていることが好ましく、70%以上フッ素化されていることがより好ましく、90%以上フッ素化されていることが、発生する酸の強度が高まるため特に好ましい。最も好ましくは、水素原子が100%フッ素置換された完全フッ素化アルキル基である。

【0182】

40

前記一般式（B-3）において、 R^{36} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基としては、上記 R^{33} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基と同様のものが挙げられる。

R^{37} の2または3個の芳香族炭化水素基としては、上記 R^{34} のアリール基からさらに1または2個の水素原子を除いた基が挙げられる。

R^{38} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基としては、上記 R^{35} の置換基を有さないアルキル基またはハロゲン化アルキル基と同様のものが挙げられる。

p'' は好ましくは2である。

【0183】

50

オキシムスルホネート系酸発生剤の具体例としては、 α -(*p*-トルエンスルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、 α -(*p*-クロロベンゼンスルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、 α -(4-ニトロベンゼンスルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、 α -(4-ニトロ-2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、 α -(ベンゼンスルホニルオキシイミノ)-4-クロロベンジルシアニド、 α -(ベンゼンスルホニルオキシイミノ)-2, 4-ジクロロベンジルシアニド、 α -(ベンゼンスルホニルオキシイミノ)-2, 6-ジクロロベンジルシアニド、 α -(ベンゼンスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシベンジルシアニド、 α -(2-クロロベンゼンスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシベンジルシアニド、 α -(ベンゼンスルホニルオキシイミノ)-チエン-2-イルアセトニトリル、 α -(4-ドデシルベンゼンスルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、 α -[(*p*-トルエンスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニル]アセトニトリル、 α -[(ドデシルベンゼンスルホニルオキシイミノ)-4-メトキシフェニル]アセトニトリル、 α -(トシルオキシイミノ)-4-チエニルシアニド、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘキセニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘプテニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロオクテニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-シクロヘキシルアセトニトリル、 α -(エチルスルホニルオキシイミノ)-エチルアセトニトリル、 α -(プロピルスルホニルオキシイミノ)-プロピルアセトニトリル、 α -(シクロヘキシルスルホニルオキシイミノ)-シクロペンチルアセトニトリル、 α -(シクロヘキシルスルホニルオキシイミノ)-シクロヘキシルアセトニトリル、 α -(シクロヘキシルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(エチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(イソプロピルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(*n*-ブチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンテニルアセトニトリル、 α -(エチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘキセニルアセトニトリル、 α -(イソプロピルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘキセニルアセトニトリル、 α -(*n*-ブチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘキセニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-フェニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-*p*-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-フェニルアセトニトリル、 α -(トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ)-*p*-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(エチルスルホニルオキシイミノ)-*p*-メトキシフェニルアセトニトリル、 α -(プロピルスルホニルオキシイミノ)-*p*-メチルフェニルアセトニトリル、 α -(メチルスルホニルオキシイミノ)-*p*-ブromoフェニルアセトニトリルなどが挙げられる。

また、特開平9-208554号公報(段落[0012]~[0014]の[化18]~[化19])に開示されているオキシムスルホネート系酸発生剤、国際公開第04/074242号パンフレット(65~86頁目のExample 1~40)に開示されているオキシムスルホネート系酸発生剤も好適に用いることができる。

また、好適なものとして以下のものを例示することができる。

【0184】

$$\begin{array}{c}
 \text{C}_4\text{H}_9-\text{O}_2\text{S}-\text{O}-\text{N}=\underset{\text{CN}}{\text{C}}-\text{C}_6\text{H}_4-\underset{\text{CN}}{\text{C}}=\text{N}-\text{O}-\text{SO}_2-\text{C}_4\text{H}_9 \\
 \\
 \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{C}}{\overset{\text{C}=\text{N}-\text{OSO}_2-(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3}{|}} \\
 \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{C}}{\overset{\text{C}=\text{N}-\text{OSO}_2-(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3}{|}} \\
 \\
 \text{Fluorenyl}-\underset{(\text{CF}_2)_6-\text{H}}{\text{C}=\text{N}-\text{O}-\text{SO}_2-\text{C}_4\text{F}_9} \quad \text{Fluorenyl}-\underset{(\text{CF}_2)_4-\text{H}}{\text{C}=\text{N}-\text{O}-\text{SO}_2-\text{C}_4\text{F}_9}
 \end{array}$$

ジアゾメタン系酸発生剤のうち、ビスアルキルまたはビスアリールスルホニルジアゾメタン類の具体例としては、ビス（イソプロピルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（p-トルエンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（1，1-ジメチルエチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（シクロヘキシルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（2，4-ジメチルフェニルスルホニル）ジアゾメタン等が挙げられる。

また、特開平11-035551号公報、特開平11-035552号公報、特開平11-035573号公報に開示されているジアゾメタン系酸発生剤も好適に用いることができる。

また、ポリ（ビススルホニル）ジアゾメタン類としては、例えば、特開平11-322707号公報に開示されている、1, 3-ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）プロパン、1, 4-ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）ブタン、1, 6-ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）ヘキサン、1, 10-ビス（フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル）デカン、1, 2-ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル）エタン、1, 3-ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル）プロパン、1, 6-ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル）ヘキサン、1, 10-ビス（シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル）デカンなどを挙げることができる。

(B) 成分としては、これらの酸発生剤を1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

本発明における（Ｂ）成分としては、フッ素化アルキルスルホン酸イオンをアニオンとするオニウム塩系酸発生剤であることが好ましい。

本発明のポジ型レジスト組成物が（Ｂ）成分を含有する場合、本発明のポジ型レジスト組成物における（Ｂ）成分の含有量は、（Ａ'）成分１００質量部に対し、０．５～５０質量部が好ましく、１～４０質量部がより好ましい。上記範囲とすることでパターン形成が充分に行われる。また、均一な溶液が得られ、保存安定性が良好となるため好ましい。

＜任意成分・（D）成分＞

本発明のポジ型レジスト組成物は、任意の成分として、さらに、含窒素有機化合物（D）（以下、（D）成分という）を含有してもよい。

(D) 成分としては、酸拡散制御剤、すなわち露光により前記(B)成分から発生する酸をトラップするクエンチャーとして作用するものであれば特に限定されず、既に多種多様なものが提案されているので、公知のものから任意に用いれば良く、なかでも脂肪族アミン、特に第2級脂肪族アミンや第3級脂肪族アミンが好ましい。ここで、脂肪族アミンとは、1つ以上の脂肪族基を有するアミンであり、該脂肪族基は炭素数が1~20であることが好ましい。

脂肪族アミンとしては、たとえば、アンモニア NH_3 の水素原子の少なくとも1つを、炭素数20以下のアルキル基またはヒドロキシアルキル基で置換したアミン（アルキルアミンまたはアルキルアルコールアミン）又は環式アミンが挙げられる。

アルキルアミンおよびアルキルアルコールアミンの具体例としては、 n -ヘキシルアミン、 n -ヘプチルアミン、 n -オクチルアミン、 n -ノニルアミン、 n -デシルアミン等のモノアルキルアミン；ジエチルアミン、ジ- n -プロピルアミン、ジ- n -ヘプチルアミン、ジ- n -オクチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジアルキルアミン；トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ- n -プロピルアミン、トリ- n -ブチルアミン、トリ- n -ヘキシルアミン、トリ- n -ペンチルアミン、トリ- n -ヘプチルアミン、トリ- n -オクチルアミン、トリ- n -ノニルアミン、トリ- n -デシルアミン、トリ- n -ドデシルアミン等のトリアルキルアミン；ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン、ジ- n -オクタノールアミン、トリ- n -オクタノールアミン、ステアリルジエタノールアミン、ラウリルジエタノールアミン等のアルキルアルコールアミンが挙げられる。これらの中でも、トリアルキルアミンおよび／またはアルキルアルコールアミンが好ましい。

10

環式アミンとしては、たとえば、ヘテロ原子として窒素原子を含む複素環化合物が挙げられる。該複素環化合物としては、単環式のもの（脂肪族単環式アミン）であっても多環式のもの（脂肪族多環式アミン）であってもよい。

脂肪族単環式アミンとして、具体的には、ピペリジン、ピペラジン等が挙げられる。

脂肪族多環式アミンとしては、炭素数が6～10のものが好ましく、具体的には、1, 5-ジアザビシクロ[4. 3. 0]-5-ノネン、1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウンデセン、ヘキサメチレンテトラミン、1, 4-ジアザビシクロ[2. 2. 2]オクタン等が挙げられる。

20

芳香族アミンとしては、アニリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、ピロール、インドール、ピラゾール、イミダゾールまたはこれらの誘導体、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、トリベンジルアミンなどが挙げられる。

その他の脂肪族アミンとしては、トリス（2-メトキシメトキシエチル）アミン、トリス{2-（2-メトキシエトキシ）エチル}アミン、トリス{2-（2-メトキシエトキシ）エチル}アミン、トリス{2-（1-メトキシエトキシ）エチル}アミン、トリス{2-（1-エトキシエトキシ）エチル}アミン、トリス{2-（1-エトキシプロポキシ）エチル}アミン、トリス[2-（2-（2-ヒドロキシエトキシ）エトキシ）エチルアミン等が挙げられる。

30

これらは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

（D）成分は、（A'）成分100質量部に対して、通常、0.01～5.0質量部の範囲で用いられる。上記範囲とすることにより、レジストパターン形状、引き置き経時安定性等が向上する。

【0188】

<任意成分・（E）成分>

本発明のレジスト組成物には、感度劣化の防止や、レジストパターン形状、引き置き経時安定性等の向上の目的で、任意の成分として、有機カルボン酸、ならびにリンのオキソ酸およびその誘導体からなる群から選択される少なくとも1種の化合物（E）（以下、（E）成分という。）を含有させることができる。

40

有機カルボン酸としては、例えば、酢酸、マロン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸などが好適である。

リンのオキソ酸およびその誘導体としては、リン酸、ホスホン酸、ホスフィン酸等が挙げられ、これらの中でも特にホスホン酸が好ましい。

リンのオキソ酸の誘導体としては、たとえば、上記オキソ酸の水素原子を炭化水素基で置換したエステル等が挙げられ、前記炭化水素基としては、炭素数1～5のアルキル基、炭素数6～15のアリール基等が挙げられる。

リン酸の誘導体としては、リン酸ジ- n -ブチルエステル、リン酸ジフェニルエステル

50

等のリン酸エステルなどが挙げられる。

ホスホン酸の誘導体としては、ホスホン酸ジメチルエステル、ホスホン酸－ジ－*n*－ブチルエステル、フェニルホスホン酸、ホスホン酸ジフェニルエステル、ホスホン酸ジベンジルエステル等のホスホン酸エステルなどが挙げられる。

ホスフィン酸の誘導体としては、フェニルホスフィン酸等のホスフィン酸エステルなどが挙げられる。

(E)成分は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

(E)成分としては、有機カルボン酸が好ましく、特にサリチル酸が好ましい。

(E)成分は、(A')成分100質量部に対して、通常、0.01～5.0質量部の範囲で用いられる。

10

【0189】

本発明のポジ型レジスト組成物には、さらに所望により、上記以外の混和性のある添加剤、例えばレジスト膜の性能を改良するための付加的樹脂、塗布性を向上させるための界面活性剤、溶解抑制剤、可塑剤、安定剤、着色剤、ハレーション防止剤、染料などを適宜、添加含有させることができる。

【0190】

<任意成分・(S)成分>

本発明のポジ型レジスト組成物は、材料を有機溶剤（以下、(S)成分ということがある）に溶解させて製造することができる。

(S)成分としては、使用する各成分を溶解し、均一な溶液とすることができるものであればよく、従来、化学増幅型レジストの溶剤として公知のものの中から任意のものを1種または2種以上適宜選択して用いることができる。

20

例えば、 γ -ブチロラクトン等のラクトン類；

アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチル－*n*－ペンチルケトン、メチルイソペンチルケトン、2-ヘプタノンなどのケトン類；

エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコールなどの多価アルコール類；

エチレングリコールモノアセテート、ジエチレングリコールモノアセテート、プロピレングリコールモノアセテート、またはジプロピレングリコールモノアセテート等のエステル結合を有する化合物、前記多価アルコール類または前記エステル結合を有する化合物のモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル等のモノアルキルエーテルまたはモノフェニルエーテル等のエーテル結合を有する化合物等の多価アルコール類の誘導体〔これらの中では、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)が好ましい〕；

30

ジオキサンのような環式エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル(EL)、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチルなどのエステル類；

アニソール、エチルベンジルエーテル、クレジルメチルエーテル、ジフェニルエーテル、ジベンジルエーテル、フェネトール、ブチルフェニルエーテル、エチルベンゼン、ジエチルベンゼン、ペンチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、トルエン、キシレン、シメン、メシチレン等の芳香族系有機溶剤などを挙げることができる。

40

これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、2種以上の混合溶剤として用いてもよい。

中でも、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、EL、シクロヘキサノンが好ましい。

また、PGMEAと極性溶剤とを混合した混合溶媒も好ましい。その配合比(質量比)は、PGMEAと極性溶剤との相溶性等を考慮して適宜決定すればよいが、好ましくは1：9～9：1、より好ましくは2：8～8：2の範囲内とすることが好ましい。

より具体的には、極性溶剤としてELを配合する場合は、PGMEA：ELの質量比は、好ましくは1：9～9：1、より好ましくは2：8～8：2である。また、極性溶剤と

50

してPGMEAを配合する場合は、PGMEA：PGMEの質量比は、好ましくは1：9～9：1、より好ましくは2：8～8：2、さらに好ましくは3：7～7：3である。

また、極性溶剤としてシクロヘキサノンを配合する場合は、PGMEA：シクロヘキサノンの質量比は、好ましくは1：9～9：1、より好ましくは2：8～8：2、さらに好ましくは3：7～7：3であり、PGMEA：PGME：シクロヘキサノンの質量比は、好ましくは(2～9)：(0～5)：(0～4.5)であり、より好ましくは(3～9)：(0～4)：(0～3.5)である。

また、(S)成分として、その他には、PGMEA及びELの中から選ばれる少なくとも1種とγブチロラクトンとの混合溶剤も好ましい。この場合、混合割合としては、前者と後者の質量比が好ましくは70：30～95：5とされる。

(S)成分の使用量は特に限定しないが、基板等に塗布可能な濃度で、塗布膜厚に応じて適宜設定されるものであるが、一般的にはレジスト組成物の固形分濃度が1～20質量%、好ましくは2～15質量%の範囲内となる様に用いられる。

【0191】

本発明のポジ型レジスト組成物によれば、基板等の支持体上に良好な密着性でレジスト膜を形成できる。また、本発明のポジ型レジスト組成物は、感度、焦点深度幅(DOF)、露光量マージン(EL)等のリソグラフィー特性が良好である。また、優れたマスク再現性(たとえばマスクエラーファクター(MEF))で、レジストパターンを形成でき、形成されるレジストパターン形状(たとえばホールパターンを形成した際の該ホールの真円性等)、CDU(パターン寸法の面内均一性)、LWR(ラインワイズラフネス)等も良好である。ELは、露光量を変化させて露光した際に、ターゲット寸法に対するずれが所定の範囲内となる寸法でレジストパターンを形成できる露光量の範囲、すなわちマスクパターンに忠実なレジストパターンが得られる露光量の範囲のことであり、ELマージンは、その値が大きいほど、露光量の変動に伴うパターンサイズの変化量が小さく、プロセスの余裕度が向上するため好ましい。DOFは、同一の露光量において、焦点を上下にずらして露光した際に、ターゲット寸法に対するずれが所定の範囲内となる寸法でレジストパターンを形成できる焦点深度の範囲、すなわちマスクパターンに忠実なレジストパターンが得られる範囲のことであり、その値が大きいほど好ましい。LWRは、レジスト組成物を用いてレジストパターンを形成した際に、ラインパターンの線幅が不均一になる現象で、パターンが微細化するほどその改善が重要となるため、その向上が求められている。

【0192】

上記効果が得られる理由は明らかではないが、本発明では(A')成分が、露光により酸を発生する構成単位(a0-2)を有する。このことにより、構成単位(a0-2)は(A')成分と共にレジスト膜内で均一に分布し、露光部では該構成単位(a0-2)から均一に酸が発生することで、露光部の(A')成分中の酸解離性溶解抑制基が均一に解離するため、上記効果が得られると推測される。

さらに、本発明では、酸解離性溶解抑制基を有する構成単位(a1)と、露光により酸を発生する構成単位(a0-2)とが共重合されているため、露光により発生する酸の拡散の制御が可能となり、上記効果が得られると推測される。

【0193】

また、本発明は、構成単位(a0-1)において、比較的長い側鎖の末端に、極性基である-SO₂-を含む環式基を有することにより、レジスト組成物の基盤密着性が良好となり、パターン倒れを防ぐことが可能となる。

【0194】

《レジストパターン形成方法》

本発明のレジストパターン形成方法は、支持体上に、前記本発明のレジスト組成物を用いてレジスト膜を形成する工程、前記レジスト膜を露光する工程、および前記レジスト膜を現像してレジストパターンを形成する工程を含む。

本発明のレジストパターン形成方法は、例えば以下の様にして行うことができる。

すなわち、まず支持体上に、前記本発明のポジ型レジスト組成物をスピナーなどで塗

10

20

30

40

50

布し、80～150℃の温度条件下、プレベーク（ポストアブライベーク（PAB））を40～120秒間、好ましくは60～90秒間施し、これに例えばArF露光装置、電子線描画装置、EUV露光装置等の露光装置を用いて、マスクパターンを介した露光、またはマスクパターンを介さない電子線の直接照射による描画等により選択的に露光した後、80～150℃の温度条件下、PEB（露光後加熱）を40～120秒間、好ましくは60～90秒間施す。次いでこれをアルカリ現像液、例えば0.1～10質量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）水溶液を用いて現像処理し、好ましくは純水を用いて水リンスを行い、乾燥を行う。また、場合によっては、上記現像処理後にベーク処理（ポストベーク）を行ってもよい。

このようにして、マスクパターンに忠実なレジストパターンを得ることができる。

10

【0195】

支持体としては、特に限定されず、従来公知のものを用いることができ、例えば、電子部品用の基板や、これに所定の配線パターンが形成されたもの等を例示することができる。より具体的には、シリコンウェーハ、銅、クロム、鉄、アルミニウム等の金属製の基板や、ガラス基板等が挙げられる。配線パターンの材料としては、例えば銅、アルミニウム、ニッケル、金等が使用可能である。

また、支持体としては、上述のような基板上に、無機系および／または有機系の膜が設けられたものであってもよい。無機系の膜としては、無機反射防止膜（無機BARC）が挙げられる。有機系の膜としては、有機反射防止膜（有機BARC）が挙げられる。

露光に用いる波長は、特に限定されず、ArFエキシマレーザー、KrFエキシマレーザー、F₂エキシマレーザー、EUV（極紫外線）、VUV（真空紫外線）、EB（電子線）、X線、軟X線等の放射線を用いて行うことができる。前記レジスト組成物は、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、EBまたはEUV、特にArFエキシマレーザーに対して有効である。

20

【0196】

レジスト膜の露光方法は、空気や窒素等の不活性ガス中で行う通常の露光（ドライ露光）であってもよく、液浸露光（Liquid Immersion Lithography）であってもよい。

液浸露光は、予めレジスト膜と露光装置の最下位置のレンズ間を、空気の屈折率よりも大きい屈折率を有する溶媒（液浸媒体）で満たし、その状態で露光（浸漬露光）を行う露光方法である。

30

液浸媒体としては、空気の屈折率よりも大きく、かつ露光されるレジスト膜の有する屈折率よりも小さい屈折率を有する溶媒が好ましい。かかる溶媒の屈折率としては、前記範囲内であれば特に制限されない。

空気の屈折率よりも大きく、かつ前記レジスト膜の屈折率よりも小さい屈折率を有する溶媒としては、例えば、水、フッ素系不活性液体、シリコン系溶剤、炭化水素系溶剤等が挙げられる。

フッ素系不活性液体の具体例としては、C₃HCl₂F₅、C₄F₉OCH₃、C₄F₉OC₂H₅、C₅H₃F₇等のフッ素系化合物を主成分とする液体等が挙げられ、沸点が70～180℃のものが好ましく、80～160℃のものがより好ましい。フッ素系不活性液体が上記範囲の沸点を有するものであると、露光終了後に、液浸に用いた媒体の除去を、簡便な方法で行えることから好ましい。

40

フッ素系不活性液体としては、特に、アルキル基の水素原子が全てフッ素原子で置換されたパーフルオロアルキル化合物が好ましい。パーフルオロアルキル化合物としては、具体的には、パーフルオロアルキルエーテル化合物やパーフルオロアルキルアミン化合物を挙げることができる。

さらに、具体的には、前記パーフルオロアルキルエーテル化合物としては、パーフルオロ（2-ブチルーテトラヒドロフラン）（沸点102℃）を挙げることができ、前記パーフルオロアルキルアミン化合物としては、パーフルオロトリブチルアミン（沸点174℃）を挙げることができる。

50

液浸媒体としては、コスト、安全性、環境問題、汎用性等の観点から、水が好ましく用いられる。

【0197】

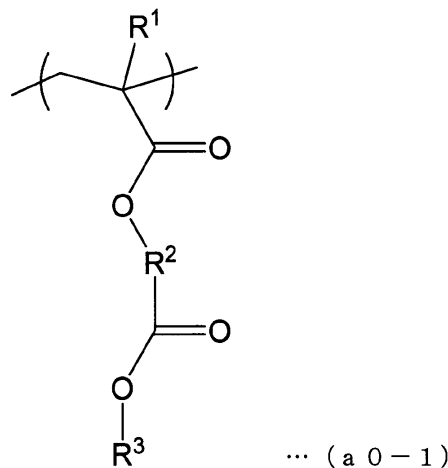
《高分子化合物》

本発明の高分子化合物は、下記一般式（a0-1）で表される構成単位（a0-1）と、露光により酸を発生する構成単位（a0-2）と、酸解離性溶解抑制基を含むアクリル酸エステルから誘導される構成単位（a1）とを有する。

該本発明の高分子化合物についての説明は、前記ポジ型レジスト組成物の（A1）成分についての説明と同じである。

【0198】

【化61】



[式中、 R^1 は水素原子、炭素数1～5のアルキル基または炭素数1～5のハロゲン化アルキル基であり、 R^2 は2価の連結基であり、 R^3 は、その環骨格中に $-SO_2-$ を含む環式基である。]

【0199】

上記本発明の高分子化合物（以下、高分子化合物（A1）という。）は、前記ポジ型レジスト組成物の（A1）成分として有用に用いることができるが、高分子化合物（A1）を添加剤として、ポジ型レジスト組成物の基材成分が含有する高分子化合物とは別に用いることもできる。

【0200】

上記高分子化合物（A1）を、添加剤として用いる場合、ポジ型レジスト組成物（以下、「第二のポジ型レジスト組成物」という。）は、該高分子化合物（A1）と、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大する基材成分（A）（但し、前記高分子化合物（A1）を除く、以下、「（A）成分」という。）と、を含有することが好ましい。

かかる第二のポジ型レジスト組成物においては、放射線が照射（露光）されると、高分子化合物（A1）から酸が発生し、発生した酸の拡散の作用により（A）成分のアルカリ現像液に対する溶解性が増大する。そのため、レジストパターンの形成において、当該ポジ型レジスト組成物を用いて得られるレジスト膜に対して選択的露光を行うと、当該レジスト膜の、露光部のアルカリ現像液に対する可溶性が増大する一方で、未露光部のアルカリ現像液に対する溶解性は変化しないため、アルカリ現像を行うことにより、レジストパターンを形成することができる。

【0201】

本発明においては、フッ素原子を有する構成単位（a0-2）を含有する高分子化合物（A1）を、液浸露光用レジスト組成物の添加剤として用いることが特に好ましい。これは、構成単位（a0-2）がフッ素原子を有することにより、支持体上に塗布した際に、

該高分子化合物（A 1）を含むレジスト組成物が表面偏析し、且つ、液浸露光時における疎水性が高いため、スキャン式の液浸露光器を用いて浸漬露光を行う場合に求められる水追従性に優れるからである。

フッ素原子を有する構成単位（a 0-2）としては、例えば、前記式（a 0-2-1 0）のX⁻の対アニオンとしてフッ素化アルキルスルホン酸イオンを有するもの、前記式（a 0-2-2 0）のR^{f 1}及び／又はR^{f 2}としてフッ素原子やフッ素化アルキル基を有するもの、等が挙げられる。

【0202】

また、フッ素原子を有する構成単位（a 0-2）を含有する高分子化合物（A 1）を添加剤として用いる場合、他の基材成分（A）等と混合、溶解して支持体上にレジスト膜を形成した際に、該添加剤はフッ素原子の作用によりレジスト膜の表層に分布する。レジスト膜の表層に分布した高分子化合物（A 1）は、露光により、該高分子化合物（A 1）が有する構成単位（a 0-2）から酸を発生し、レジスト膜表面における酸濃度が高くなる。このことにより、レジスト膜表面における脱保護確率が向上し、膜表面における脱保護が不十分となり引き起こされるレジストパターン形状の悪化を改善することができると考えられる。具体的には、ラインアンドスペースパターンの場合にはブリッジ系ディフェクト（パターン同士がつながってしまう等）の低減、ホールパターンの場合には非開口ディフェクトの低減が可能であると考えられる。

【0203】

該第二のレジスト組成物は、構成単位（a 0-1）と、構成単位（a 0-2）と、構成単位（a 1）とを有する高分子化合物（A 1）を含有することにより、LWR、ELマージン等のリソグラフィ特性が良好となる。その理由は、高分子化合物（A 1）を（A'）成分として有するポジ型レジスト組成物のリソグラフィ特性が良好な理由と同じである。

また、本発明の第二レジスト組成物は、構成単位（a 0-1）と、構成単位（a 0-2）と、構成単位（a 1）とを有する高分子化合物（A 1）を、基材成分（A）と別に含有することにより、構成単位（a 0-2）の添加量が少量であっても上記効果を得ることができるという利点がある。

【0204】

該第二のレジスト組成物の（A）成分は、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大する高分子化合物成分（A 0）（以下、（A 0）成分という。）であってもよく、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大する低分子化合物成分（A 3）（以下、（A 3）成分という。）であってもよく、またはこれらの混合物であってもよい。

（A 0）成分は、上記（A 1）成分に該当しないものであれば特に限定されるものではなく、上述した構成単位（a 0-1）、（a 1）、（a 2）、（a 3）及び（a 4）からなる群から選ばれる1種以上を有するものであることが好ましい。

（A 3）成分としては、上記（A 2）成分と同様のものが挙げられる。

【0205】

該第二のレジスト組成物は、（A）成分の他に、任意成分として、（B）成分、（D）成分、（E）成分、（S）成分を有していてもよく、これら任意成分としては、それぞれ、前述したものと同様のものが挙げられる。

【実施例】

【0206】

次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。

本実施例では、化学式（1）で表される単位を「化合物（1）」と記載し、他の式で表される化合物についても同様に記載する。

なお、NMRによる分析において、¹H-NMRの内部標準および¹³C-NMRの内部標準はテトラメチルシラン（TMS）である。¹⁹F-NMRの内部標準はヘキサフルオロベンゼンである（但し、ヘキサフルオロベンゼンのピークを-160 ppmとした）

10

20

30

40

50

【0207】

[モノマー合成例1 (化合物(2)の合成)]

後述するポリマー合成例で使用した化合物(2)は以下の手順で合成した。

500mlの3つ口フラスコに、窒素雰囲気下、アルコール(2) 20g (105.14mmol)、エチルジイソプロピルアミノカルボジイミド(EDCI)塩酸塩30.23g (157.71mmol)およびジメチルアミノピリジン(DMAP)0.6g (5mmol)のTHF溶液300mlを入れ、そこに、氷冷下(0℃)で前駆体(2) 16.67g (115.66mmol)を加えた後、室温で12時間撹拌した。

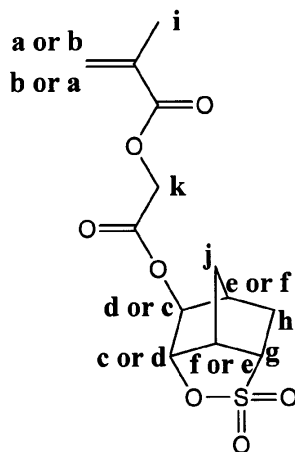
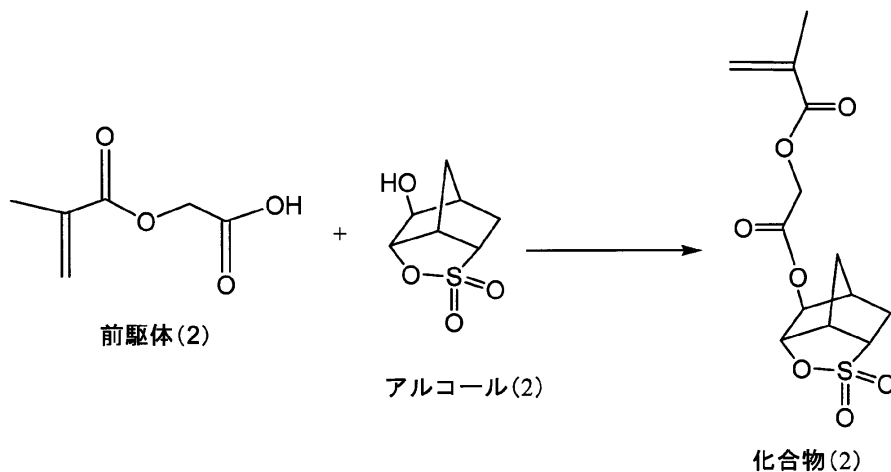
薄層クロマトグラフィー(TLC)にて原料の消失を確認後、50mlの水を加えて反応を停止した。反応溶媒を減圧濃縮し、酢酸エチルで3回抽出して得られた有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム、1N-HCl aqの順で洗浄した。減圧下、溶媒留去して得られた生成物を乾燥させ、化合物(2)を得た。

得られた化合物(2)の機器分析結果は、以下の通りであった。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 400MHz): δ (ppm) = 6.22 (s, 1H, H^{a}), 5.70 (s, 1H, H^{b}), 4.71–4.85 (m, 2H, $\text{H}^{\text{c}}, \text{H}^{\text{d}}$), 4.67 (s, 2H, H^{k}), 3.40–3.60 (m, 2H, $\text{H}^{\text{e}}, \text{H}^{\text{f}}$), 2.58–2.70 (m, 1H, H^{g}), 2.11–2.21 (m, 2H, H^{h}), 2.00 (s, 3H, H^{i}), 1.76–2.09 (m, 2H, H^{j}).

【0208】

【化62】



【0209】

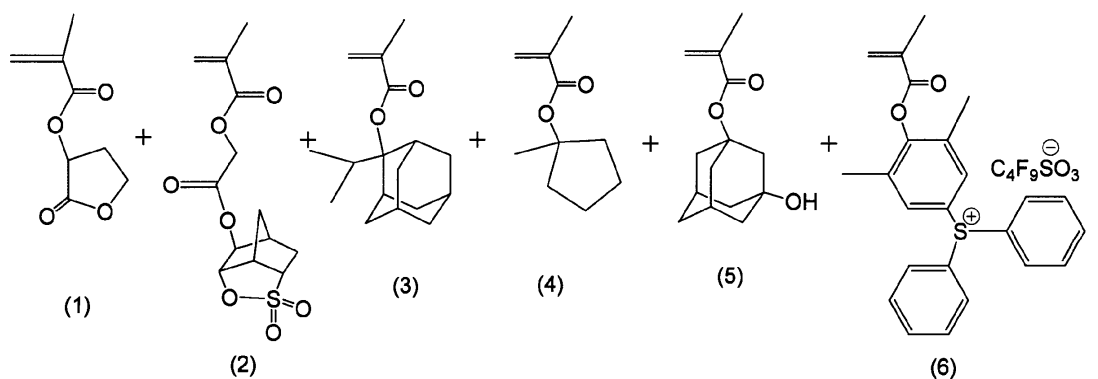
[ポリマー合成例 1 (高分子化合物 1 の合成)]

温度計、還流管、窒素導入管を繋いだセパラブルフラスコに、7.00 g (41.18 mmol) の化合物 (1)、7.40 g (23.41 mmol) の化合物 (2)、13.24 g (50.54 mmol) の化合物 (3)、3.45 g (20.51 mmol) の化合物 (4)、4.19 g (17.76 mmol) の化合物 (5)、5.45 g (8.07 mmol) の化合物 (6) を、28.40 g のメチルエチルケトン (MEK) に溶解させた。この溶液に、重合開始剤としてアゾビスイソ酪酸ジメチル (V-601) を 9.20 mmol 添加し溶解させた。これを窒素雰囲気下、4 時間かけて 78 °C に加熱した MEK 51.78 g に滴下した。滴下終了後、反応液を 1 時間加熱攪拌し、その後、反応液を室温まで冷却した。得られた反応重合液を大量のヘプタン/イソプロパノール混合溶媒に滴下し、重合体を析出させる操作を行い、沈殿した白色粉体をろ別、メタノール/MEK 混合溶媒にて洗浄、乾燥して、目的物である高分子化合物 1 を 15 g 得た。

この高分子化合物 1 について、GPC 測定により求めた標準ポリスチレン換算の質量平均分子量 (M_w) は 5900、分子量分散度 (M_w/M_n) は 1.95 であった。また、カーボン 13 核磁気共鳴スペクトル (600 MHz ^{13}C -NMR) により求められた共重合組成比 (構造式中の各構成単位の割合 (モル比)) は、1/m/n/o/p/q = 29.3/18.2/22.4/13.4/12.7/4.0 であった。

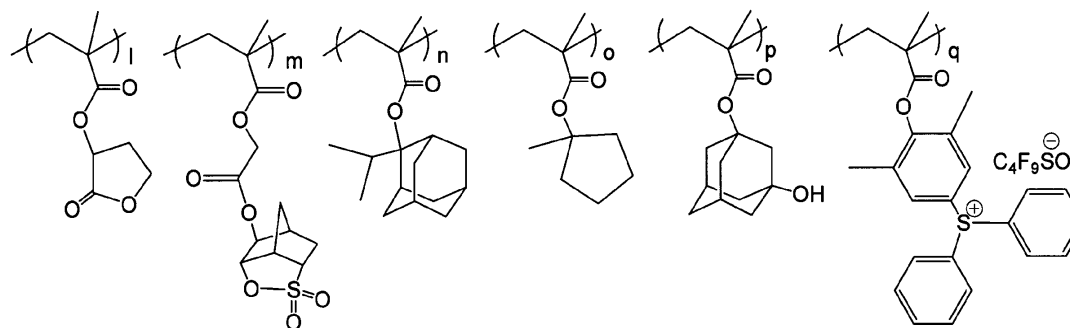
【0210】

【化 63】



V601, MEK (78deg.C)

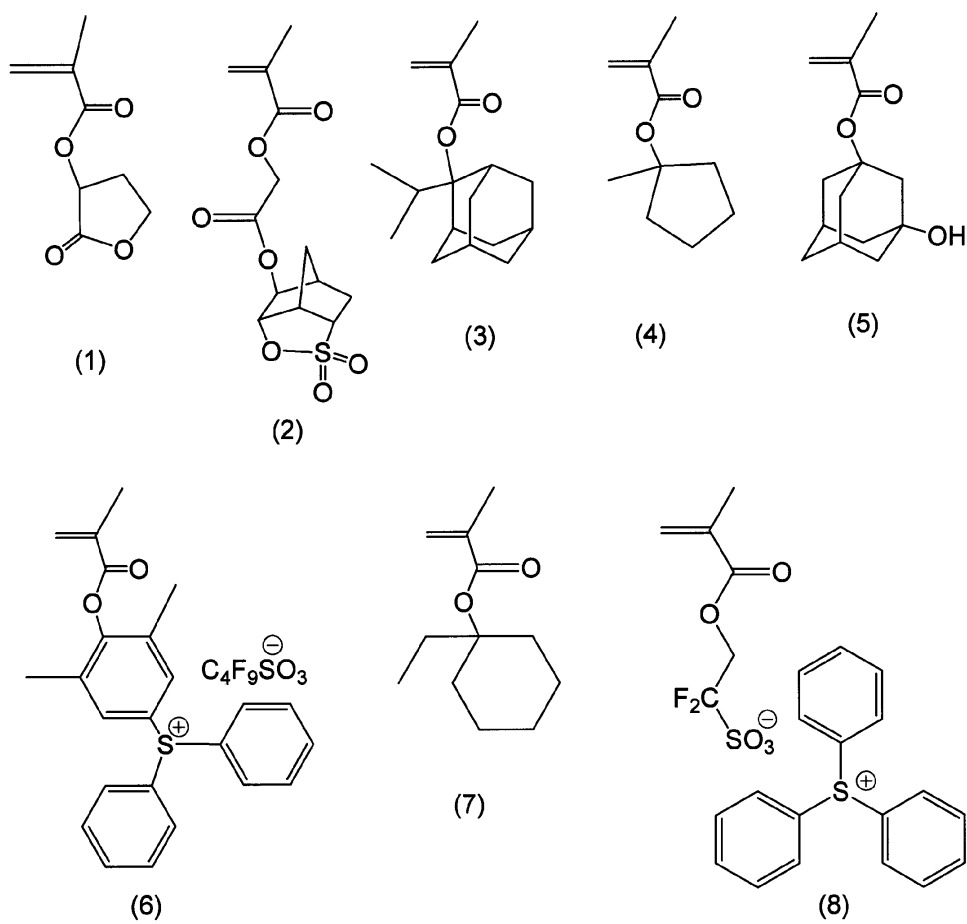
Radical Polymerization



高分子化合物 1

【0211】

【化 6 4】

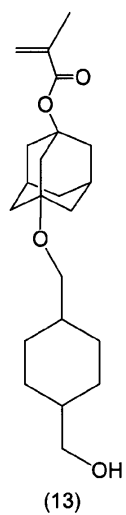
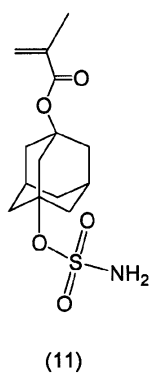
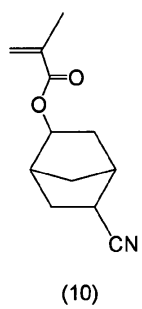
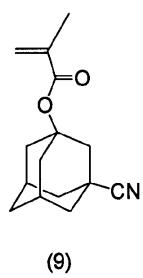


10

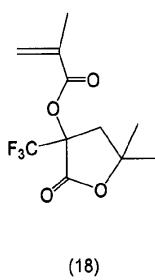
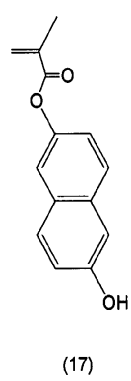
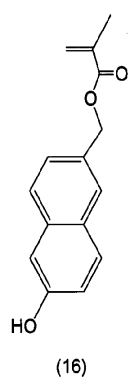
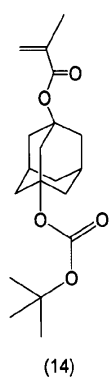
20

【 0 2 1 2 】

【化 6 5】



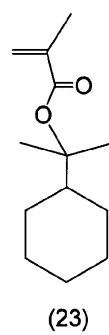
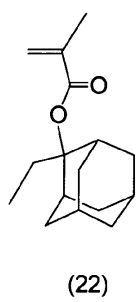
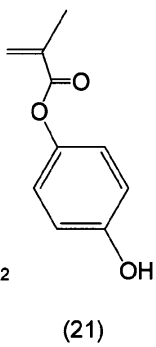
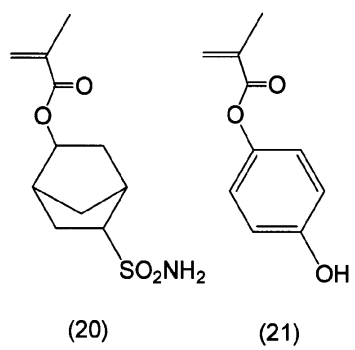
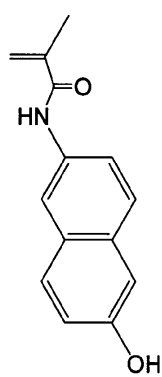
10



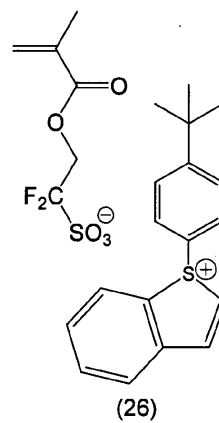
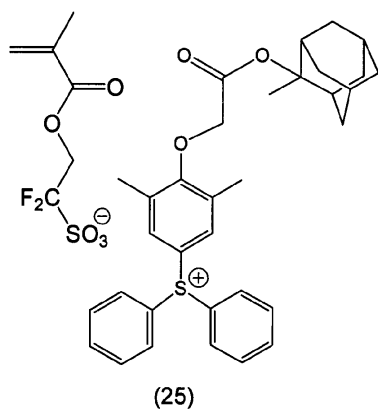
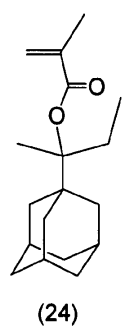
20

【 0 2 1 3 】

【化 6 6】



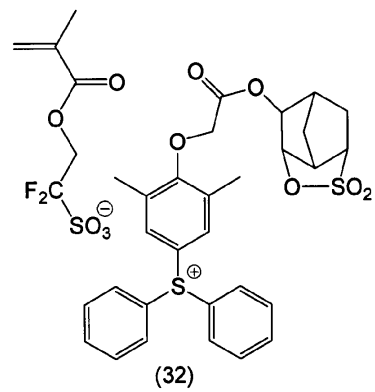
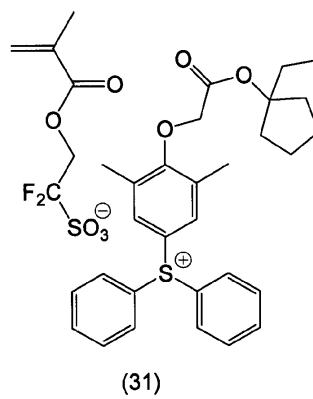
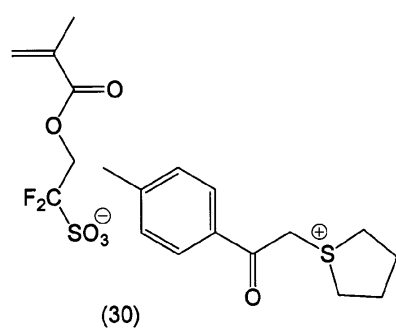
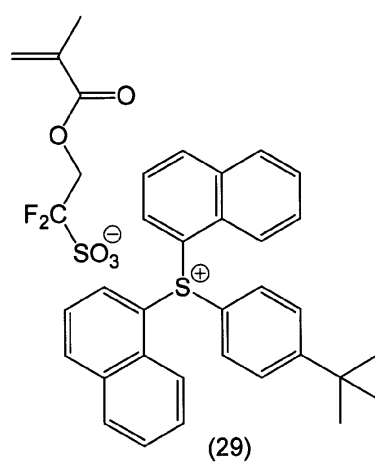
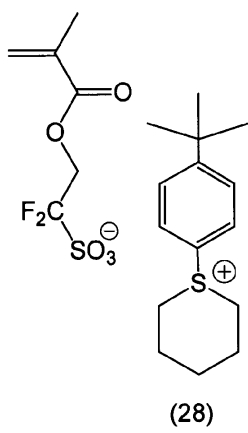
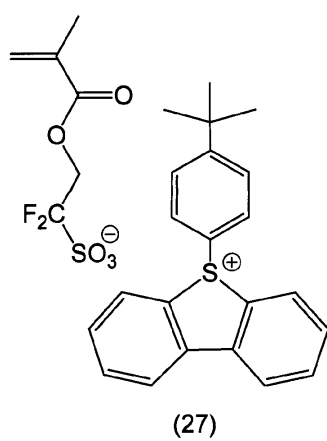
10



20

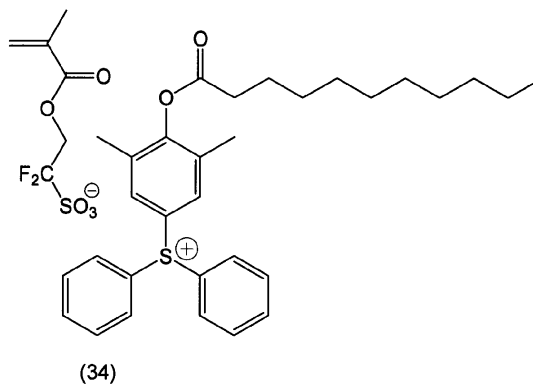
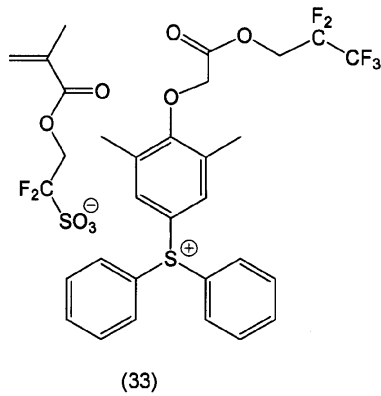
【 0 2 1 4】

【化 6 7】

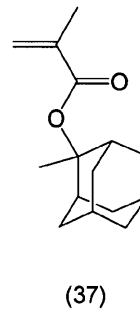
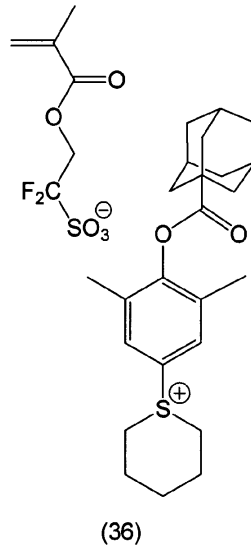
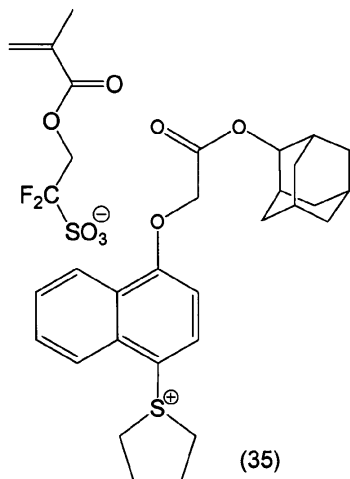


【 0 2 1 5】

【化 6 8】



10



20

【0 2 1 6】

[ポリマー合成例 2 ～ 1 0 (高分子化合物 2 ～ 1 0 の合成)]

30

高分子化合物 2 ～ 1 0 は、各高分子化合物を構成する構成単位を誘導する下記モノマー (1) ～ (8) を所定のモル比で用いた以外は、上記ポリマー合成例 1 と同様の方法により合成した。

各高分子化合物について、GPC 測定により求めた標準ポリスチレン換算の質量平均分子量および分子量分散度(Mw/Mn)を表 1 に示す。

【0 2 1 7】

【表 1】

	モノマー								Mw	Mw/Mn
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
高分子化合物 1	29.3	18.2	22.4	13.4	12.7	4.0	-	-	5900	1.95
高分子化合物 2	-	37.0	43.6	-	8.8	5.0	5.6	-	6400	1.88
高分子化合物 3	-	41.0	32.5	-	8.1	13.5	4.9	-	6200	1.85
高分子化合物 4	-	37.7	23.0	-	7.5	27.6	4.2	-	6000	1.81
高分子化合物 5	-	36.1	39.6	-	16.1	-	-	8.2	10400	1.92
高分子化合物 6	-	44.3	47.3	-	-	-	-	8.4	14500	1.95
高分子化合物 7	34.9	20.8	16.8	14.9	12.6	-	-	-	8100	1.57
高分子化合物 8	-	41.9	38.6	-	13.1	-	6.4	-	7500	1.72
高分子化合物 9	-	39.4	39.9	-	20.7	-	-	-	6000	1.42
高分子化合物 10	-	51.1	48.9	-	-	-	-	-	7400	2.01

10

20

【0 2 1 8】

[ポリマー合成例 1 1～8 0（高分子化合物 1 1～8 0 の合成）]

高分子化合物 1 1～8 0 は、各高分子化合物を構成する構成単位を誘導する上記モノマーを表 2～9 に示す所定のモル比で用いた以外は、上記ポリマー合成例 1 と同様の方法により合成した。

各高分子化合物について、GPC 測定により求めた標準ポリスチレン換算の質量平均分子量および分子量分散度(Mw/Mn)を表 2～9 に併せて示す。

【0 2 1 9】

30

【表 2】

		モノマー												Mw	Mw/Mn
		(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
高分子化合物	11	35.4	39.6	8.3	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11900	1.98
	12	36.4	38.2	8.1	-	17.3	-	-	-	-	-	-	-	10800	1.87
	13	35.0	38.5	8.5	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	10700	1.80
	14	37.9	37.2	8.6	-	-	-	16.3	-	-	-	-	-	11000	1.98
	15	36.3	39.0	8.4	-	-	-	-	16.3	-	-	-	-	10200	1.93
	16	34.3	38.7	8.8	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	10500	1.84
	17	36.3	37.8	8.0	-	-	-	-	-	-	17.9	-	-	11100	1.98
	18	35.5	39.5	8.4	-	-	-	-	-	-	-	16.6	-	10900	1.79
	19	36.9	37.5	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	10500	1.99

40

【0 2 2 0】

【表 3】

		モノマー												Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(8)	(19)	(20)	(21)	(7)	(11)	(22)	(37)	(23)	(24)		
高 分 子 化 合 物	21	34.5	39.0	8.3	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10900	2.03
	22	34.8	38.6	8.6	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	11900	2.13
	23	36.4	37.3	8.4	-	-	17.9	-	-	-	-	-	-	11300	1.99
	24	34.5	-	8.7	-	-	-	39.9	16.9	-	-	-	-	10600	1.90
	25	35.6	28.8	8.9	-	-	-	10.3	16.4	-	-	-	-	10500	2.01
	26	37.3	-	8.4	-	-	-	10.1	17.3	26.9	-	-	-	12000	1.94
	27	36.9	-	8.0	-	-	-	28.5	16.8	-	9.8	-	-	12600	2.04
	28	36.4	29.1	8.1	-	-	-	-	16.5	-	-	9.9	-	11500	1.92
	29	36.7	-	8.3	-	-	-	10.4	16.6	-	-	-	28.0	11900	2.00
	30	34.5	-	8.8	-	-	-	-	17.6	-	-	10.0	29.1	10100	2.05

10

【 0 2 2 1 】

【表 4】

		モノマー												Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(25)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
高 分 子 化 合 物	31	35.3	38.6	8.9	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	12600	1.91
	32	36.7	38.1	8.8	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	10500	2.02
	33	36.3	38.8	8.0	-	-	16.9	-	-	-	-	-	-	11300	1.93
	34	34.5	38.7	8.5	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	12100	1.91
	35	34.5	39.6	8.5	-	-	-	-	17.4	-	-	-	-	10800	2.04
	36	36.0	38.5	8.4	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-	10600	2.13
	37	36.5	37.4	8.6	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-	10200	1.91
	38	36.2	38.9	8.4	-	-	-	-	-	-	-	16.5	-	11400	2.00
	39	36.1	38.0	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	11300	2.06

20

【 0 2 2 2 】

【表 5】

		モノマー												Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(25)	(19)	(20)	(21)	(7)	(11)	(22)	(37)	(23)	(24)		
高 分 子 化 合 物	41	36.8	37.8	8.1	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	11900	1.98
	42	37.3	37.9	8.4	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-	12700	2.11
	43	38.4	37.3	8.2	-	-	16.1	-	-	-	-	-	-	11800	1.99
	44	34.2	-	8.8	-	-	-	38.1	18.9	-	-	-	-	10100	1.88
	45	35.5	28.5	8.2	-	-	-	9.7	18.1	-	-	-	-	10600	2.12
	46	34.7	-	8.6	-	-	-	10.0	17.3	29.4	-	-	-	11100	1.91
	47	38.1	-	8.1	-	-	-	27.6	16.6	-	9.6	-	-	11200	2.02
	48	35.0	29.5	8.7	-	-	-	-	17.3	-	-	9.5	-	13200	1.90
	49	36.0	-	8.8	-	-	-	9.8	16.8	-	-	-	28.6	12600	1.94
	50	37.6	-	7.8	-	-	-	-	16.5	-	-	9.3	28.8	10000	1.93

30

40

【 0 2 2 3 】

【表 6】

		モノマー												Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(26)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
高 分 子 化 合 物	51	35.5	37.9	8.7	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	10900	1.99
	52	35.7	38.6	8.5	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	10100	1.88
	53	35.7	39.1	8.6	-	-	16.6	-	-	-	-	-	-	11200	2.17
	54	36.0	37.4	8.8	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-	13700	2.15
	55	34.3	38.2	8.5	-	-	-	-	19.0	-	-	-	-	12700	2.21
	56	36.9	37.9	7.9	-	-	-	-	-	17.3	-	-	-	12100	2.06
	57	34.5	38.2	8.4	-	-	-	-	-	-	18.9	-	-	12400	1.92
	58	34.4	38.6	8.5	-	-	-	-	-	-	-	18.5	-	10600	2.01
	59	35.3	39.5	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	11400	2.17

10

【 0 2 2 4 】

【表 7】

		モノマー												Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(26)	(19)	(20)	(21)	(7)	(11)	(22)	(37)	(23)	(24)		
高 分 子 化 合 物	61	35.3	38.7	8.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12000	1.89
	62	36.3	37.7	8.6	-	17.4	-	-	-	-	-	-	-	10100	2.09
	63	34.4	39.4	8.4	-	-	17.8	-	-	-	-	-	-	11500	2.08
	64	34.5	-	8.3	-	-	-	38.9	18.3	-	-	-	-	11700	1.91
	65	36.6	28.4	8.6	-	-	-	9.5	16.9	-	-	-	-	12900	1.99
	66	37.0	-	8.4	-	-	-	9.3	16.4	28.9	-	-	-	12900	2.17
	67	37.6	-	8.3	-	-	-	29.3	16.0	-	8.8	-	-	11500	2.20
	68	36.0	30.2	8.1	-	-	-	-	16.6	-	-	9.1	-	12400	1.96
	69	37.7	-	8.5	-	-	-	9.0	16.3	-	-	-	28.5	11900	1.97
	70	35.9	-	8.7	-	-	-	-	17.2	-	-	8.7	29.5	12300	2.13

20

【 0 2 2 5 】

【表 8】

		モノマー									Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(23)	(11)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)		
高 分 子 化 合 物	71	35.0	30.5	8.9	17.6	8.0					13200	2.37
	72	36.0	29.8	8.4	17.5		8.3				12900	1.89
	73	36.9	28.8	9.7	16.9			7.7			10500	1.99
	74	36.1	28.6	9.3	17.9				8.1		10900	2.03
	75	37.3	28.4	8.7	17.4					8.2	10400	2.00

30

【 0 2 2 6 】

【表 9】

		モノマー									Mw	Mw/ Mn
		(2)	(3)	(23)	(11)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
高 分 子 化 合 物	76	35.2	30.1	9.1	17.0	8.6					13900	2.07
	77	35.3	29.2	9.6	17.5		8.4				10200	1.84
	78	38.3	28.7	8.5	16.4			8.1			12100	2.04
	79	37.5	28.7	8.9	17.0				7.9		11100	1.95
	80	37.0	29.0	9.0	16.8					8.2	11300	2.01

40

【 0 2 2 7 】

50

[実施例 1～6、比較例 1～4]

表 10 に示す各成分を混合、溶解してポジ型のレジスト組成物を調製した。

【0228】

【表 10】

	(A')成分	(B)成分		(D)成分	(E)成分	(S)成分	
実施例 1	(A)-1 [100]	(B)-1 [1.8]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
実施例 2	(A)-2 [100]	-	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
実施例 3	(A)-3 [100]	-	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
実施例 4	(A)-5 [100]	(B)-1 [2.3]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
実施例 5	(A)-6 [100]	(B)-1 [2.9]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [1.0]	(E)-1 [1.25]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
実施例 6	(A)-2 [100]	(B)-1 [5.0]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
比較例 1	(A)-7 [100]	(B)-1 [5.0]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
比較例 2	(A)-8 [100]	(B)-1 [11.8]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
比較例 3	(A)-9 [100]	(B)-1 [11.8]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]
比較例 4	(A)-10 [100]	(B)-1 [11.8]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [1.0]	(E)-1 [1.25]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2100]

【0229】

表 10 中、[] 内の数値は配合量（質量部）を示す。また、表 10 中の記号はそれぞれ以下のものを示す。

(A) - 1 : 前記高分子化合物 1。

(A) - 2 : 前記高分子化合物 2。

(A) - 3 : 前記高分子化合物 3。

(A) - 5 : 前記高分子化合物 5。

(A) - 6 : 前記高分子化合物 6。

(A) - 7 : 前記高分子化合物 7。

(A) - 8 : 前記高分子化合物 8。

(A) - 9 : 前記高分子化合物 9。

(A) - 10 : 前記高分子化合物 10。

(B) - 1 : 下記化学式 (B) - 1 で表される化合物。

(B) - 2 : トリフェニルスルホニウム d-カンファー-10-スルホネート。

(D) - 1 : トリー n-ペンチルアミン。

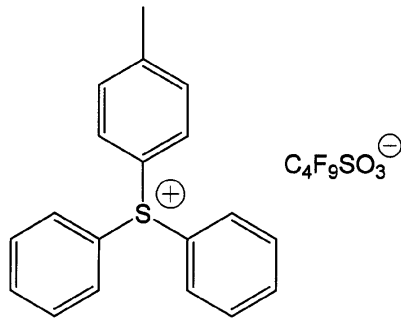
(E) - 1 : サリチル酸。

(S) - 1 : γ -ブチロラクトン。

(S) - 2 : PGMEA / PGME / シクロヘキサノン = 40 / 35 / 25 (質量比) の混合溶剤。

【0230】

【化 6 9】



10

【0 2 3 1】

8 インチのシリコンウェーハ上に、有機系反射防止膜組成物「ARC 29」（商品名、ブリュワーサイエンス社製）を、スピナーを用いて塗布し、ホットプレート上で 205 °C、60 秒間焼成して乾燥させることにより、膜厚 82 nm の有機系反射防止膜を形成した。そして、該反射防止膜上に、上記で得られた実施例 1～6 および比較例 1～4 のポジ型レジスト組成物を、スピナーを用いてそれぞれ塗布し、ホットプレート上で 100 °C、60 秒間の条件でプレバーク（PAB）処理を行い、乾燥することにより、膜厚 120 nm のレジスト膜を形成した。

次いで、前記レジスト膜に対し、ArF 露光装置 NSR-S302（ニコン社製；NA（開口数）= 0.60，2/3 輪帯照明）により、ArF エキシマレーザー（193 nm）を、マスクパターンを介して選択的に照射した。

20

そして、表 3 に示す温度で 60 秒間の PEB 処理を行い、さらに 23 °C にて 2.38 質量%の TMAH 水溶液で 30 秒間の条件でアルカリ現像し、その後 30 秒間、純水を用いて水リンスし、振り切り乾燥を行った。

その結果、いずれの例においても、前記レジスト膜に、ライン幅 160 nm、ピッチ 320 nm の 1:1 ラインアンドスペース（L/S）パターンが形成された。また、このときの最適露光量 E_{op} (mJ/cm²) を求めた。その結果を表 11 に示す。

【0 2 3 2】

[LWR（ラインワイズラフネス）評価]

30

上記 E_{op} にて形成されたライン幅 160 nm の 1:1 L/S パターンにおいて、測長 SEM（走査型電子顕微鏡、加速電圧 800 V、商品名：S-9220、日立製作所社製）により、スペース幅を、スペースの長手方向に 5 箇所測定し、その結果から標準偏差（s）の 3 倍値（3s）を、LWR を示す尺度として算出した。この 3s の値が小さいほど線幅のラフネスが小さく、より均一幅の L/S パターンが得られたことを意味する。結果を表 11 に示す。

【0 2 3 3】

[露光余裕度（EL マージン）の評価]

上記 E_{op} で、L/S パターンのラインがターゲット寸法（ライン幅 160 nm）の ±5%（152 nm～168 nm）の範囲内で形成される際の露光量を求め、次式により EL マージン（単位：%）を求めた。その結果を表 11 に示す。

40

$$EL \text{ マージン } (\%) = (|E_1 - E_2| / E_{OP}) \times 100$$

E_1 ：スペース幅 152 nm の L/S パターンが形成された際の露光量 (mJ/cm²)

E_2 ：スペース幅 168 nm の L/S パターンを形成された際の露光量 (mJ/cm²)

なお、EL マージンは、その値が大きいほど、露光量の変動に伴うパターンサイズの変化量が小さいことを示す。

【0 2 3 4】

【表 1 1】

	PEB(°C)	Eop(mJ/cm ²)	LWR(nm)	EL(±5%)
比較例 1	85	16	11.6	8.3
実施例 1	85	20	9.8	9.0
比較例 2	80	16	10.5	7.9
実施例 2	80	19	9.8	9.3
実施例 3	80	16	9.5	9.6
実施例 6	80	14	9.6	8.5
比較例 3	80	19	10.3	9.0
実施例 4	80	26	9.9	10.5
比較例 4	80	15	13.5	6.3
実施例 5	80	20	12.3	8.4

10

【0 2 3 5】

上記結果から、本発明に係る実施例 1～6 のレジスト組成物は、比較例 1～4 のレジスト組成物に比べて、EL マージン、LWR 等のリソグラフィ特性が良好であることが確認できた。

【0 2 3 6】

[実施例 7～7 3]

20

表 1 2～1 5 に示す各成分を混合、溶解してポジ型のレジスト組成物を調製した。表 1 2～1 5 中、(B)－1、(B)－2、(D)－1、(E)－1、(S)－1、(S)－2 は前記同様であり、(A)－1 1～(A)－8 0 はそれぞれ前記高分子化合物 1 1～8 0 であり、「↑」は、該行の化合物が実施例 7 と同じであることを示す。

【0 2 3 7】

【表 1 2】

	(A') 成分	(B) 成分		(D) 成分	(E) 成分	(S) 成分		PAB/PEB (°C)	Eop (mJ/cm ²)	LWR (nm)	EL±5%
実施例 7	(A)-11 [100]	(B)-1 [2.3]	(B)-2 [2.0]	(D)-1 [0.6]	(E)-1 [0.75]	(S)-1 [10]	(S)-2 [2200]	100/80	30	9.5	11.3
実施例 8	(A)-12 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	25	9.4	11.2
実施例 9	(A)-13 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	23	9.3	10.5
実施例 10	(A)-14 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	21	9.7	10.6
実施例 11	(A)-15 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	27	9.8	10.1
実施例 12	(A)-16 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	22	9.6	10.0
実施例 13	(A)-17 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	18	9.8	10.3
実施例 14	(A)-18 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	29	9.9	10.5
実施例 15	(A)-19 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	31	9.8	10.7
実施例 16	(A)-21 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	33	9.5	11.5
実施例 17	(A)-22 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	23	9.4	10.4
実施例 18	(A)-23 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	29	9.6	10.3
実施例 19	(A)-24 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	21	9.2	10.9
実施例 20	(A)-25 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	17	9.3	10.8
実施例 21	(A)-26 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	28	9.4	11.1
実施例 22	(A)-27 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	110/110	25	9.9	12.0
実施例 23	(A)-28 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	21	9.4	10.4
実施例 24	(A)-29 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	19	9.3	10.2
実施例 25	(A)-30 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	19	9.2	10.1

【0 2 3 8】

【表 1 3】

	(A') 成分	(B) 成分		(D) 成分	(E) 成分	(S) 成分		PAB/PEB (°C)	Eop (mJ/cm ²)	LWR (nm)	EL±5%
実施例 26	(A)-31 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	32	9.7	11.7
実施例 27	(A)-32 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	28	9.8	11.3
実施例 28	(A)-33 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	24	9.4	11.0
実施例 29	(A)-34 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	24	9.8	10.5
実施例 30	(A)-35 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	29	9.7	10.7
実施例 31	(A)-36 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	25	9.9	10.3
実施例 32	(A)-37 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	21	9.6	10.2
実施例 33	(A)-38 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	30	9.9	10.6
実施例 34	(A)-39 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	34	9.8	10.3
実施例 35	(A)-41 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	33	9.8	11.5
実施例 36	(A)-42 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	24	9.7	10.9
実施例 37	(A)-43 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	31	9.9	10.3
実施例 38	(A)-44 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	22	9.3	11.2
実施例 39	(A)-45 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	18	9.4	10.7
実施例 40	(A)-46 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	31	9.4	11.0
実施例 41	(A)-47 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	27	9.5	11.3
実施例 42	(A)-48 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	25	9.4	10.7
実施例 43	(A)-49 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	21	9.5	10.3
実施例 44	(A)-50 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	20	9.3	10.3

【0 2 3 9】

【表 1 4】

	(A') 成分	(B) 成分		(D) 成分	(E) 成分	(S) 成分		PAB/PEB (°C)	Eop (mJ/cm ²)	LWR (nm)	EL±5%
実施例 45	(A)-51 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	38	9.6	12.3
実施例 46	(A)-52 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	34	9.5	12.5
実施例 47	(A)-53 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	33	9.7	11.9
実施例 48	(A)-54 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	30	9.6	12.1
実施例 49	(A)-55 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	35	9.6	11.5
実施例 50	(A)-56 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	32	9.7	11.3
実施例 51	(A)-57 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	29	9.5	11.1
実施例 52	(A)-58 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	36	9.7	10.8
実施例 53	(A)-59 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	39	9.6	11.4
実施例 54	(A)-61 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	41	9.6	11.7
実施例 55	(A)-62 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	31	9.5	12.0
実施例 56	(A)-63 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/80	38	9.6	11.6
実施例 57	(A)-64 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	29	9.1	12.1
実施例 58	(A)-65 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	25	9.1	11.9
実施例 59	(A)-66 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	37	9.3	12.3
実施例 60	(A)-67 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	110/110	34	9.3	12.8
実施例 61	(A)-68 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	31	9.1	12.1
実施例 62	(A)-69 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	30	9.2	12.4
実施例 63	(A)-70 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	29	9.0	11.6

【0 2 4 0】

【表 1 5】

	(A') 成分	(B) 成分		(D) 成分	(E) 成分	(S) 成分		PAB/PEB (°C)	Eop (mJ/cm ²)	LWR (nm)	EL±5%
実施例 64	(A)-71 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	29	9.2	12.0
実施例 65	(A)-72 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	32	9.1	13.0
実施例 66	(A)-73 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	31	9.2	12.6
実施例 67	(A)-74 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	28	9.2	12.2
実施例 68	(A)-75 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	25	9.4	10.4
実施例 69	(A)-76 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	26	9.4	10.8
実施例 70	(A)-77 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	24	9.5	10.9
実施例 71	(A)-78 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	25	9.3	10.5
実施例 72	(A)-79 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	27	9.2	11.4
実施例 73	(A)-80 [100]	↑	↑	↑	↑	↑	↑	100/85	28	9.1	11.8

10

20

【0 2 4 1】

上記実施例 7～73 のポジ型レジスト組成物を用いて、PAB及びPEBの温度を表 1 2～1 5 に示す温度に変更した以外は上記同様にして、ライン幅 1 6 0 nm、ピッチ 3 2 0 nm の 1：1 ラインアンドスペース（L/S）パターンを得た。このときの最適露光量 Eop（mJ/cm²）を表 1 2～1 5 に併記する。

また、上記同様にして求めた LWR、EL マージンも表 1 2～1 5 に併記する。

【0 2 4 2】

上記結果から、本発明に係る実施例 7～73 のレジスト組成物は、EL マージン、LWR 等のリソグラフィ特性が良好であることが確認できた。

30

フロントページの続き

- (72)発明者 塩野 大寿
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内
- (72)発明者 新井 雅俊
神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

審査官 石附 直弥

- (56)参考文献 国際公開第2010/001913 (WO, A1)
特開2010-134417 (JP, A)
特開2009-062491 (JP, A)
特開2007-093910 (JP, A)
特開2007-119696 (JP, A)
特開2006-045311 (JP, A)
特開2011-252145 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G03F 7/004-7/18